

DRV8001-Q1 ドア制御用高集積、多機能ドライバ

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
 - 温度グレード 1: -40°C ~ +125°C、 T_A
- 機能安全準拠予定
 - 機能安全アプリケーション向けに開発
 - ISO26262 システム設計を支援するためのドキュメント
 - ASIL D までのインテグリティレベル
 - ASIL B までのハードウェア安全度
- 5V~35V (絶対最大定格 40V) 動作範囲
- 1 個の統合ハーフブリッジ、 I_{OUT} 最大 8A ($R_{DS(ON) HS} + LS FET = 155m\Omega$)
- 1 個の統合ハーフブリッジ、 I_{OUT} 最大 7A ($R_{DS(ON) HS} + LS FET = 185m\Omega$)
- 2 個の統合ハーフブリッジ、 I_{OUT} 最大 4A ($R_{DS(ON) HS} + LS FET = 440m\Omega$)
- 2 個の統合ハーフブリッジ、 I_{OUT} 最大 1.3A ($R_{DS(ON) HS} + LS FET = 1540m\Omega$)
- 1 個の構成可能な内蔵ハイサイドドライバをランプまたは LED ドライバとして使用、最大 I_{OUT} 1.5/0.5A ($R_{DS(ON)} = 0.4/1.2\Omega$)
- 5 個の 0.5/0.25A 負荷用のハイサイドドライバを内蔵 ($R_{DS(ON)}=1.2\Omega$)
- 1 つの外部 MOSFET ゲートドライバ、エレクトロクロミック ガラス充電用
- 1 つのエレクトロクロミック ガラス放電用ローサイド FET 内蔵
- ハイサイドドライバ用の内部 10 ビット PWM ジェネレータ
- すべてのハイサイドドライバは、幅広い LED モジュールを駆動するための低電流または高電流のスレッシュホールド定電流モードをサポートしています
- 1 個のヒータ用外部 MOSFET ゲートドライバ
 - オフライン開放負荷診断
 - 短絡検出に適した低 $R_{DS(ON)}$ MOSFET の V_{DS} 監視
- 統合ドライバ出力は電流調整機能付き (ITRIP)
- 多重化可能なセンス出力 (IPROPI)
 - 比例電流出力 (IPROPI) 付きの内部電流検出
 - 複数の熱クラスタによる高度なダイ温度モニタリング
 - モーターの電源電圧モニター
- 設定可能な障害動作を備えた保護および診断機能
 - オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
 - 過電流および過熱保護
- デバイス比較表

2 アプリケーション

- ドア モジュール
- 車体制御モジュール
- ゾーン型モジュール

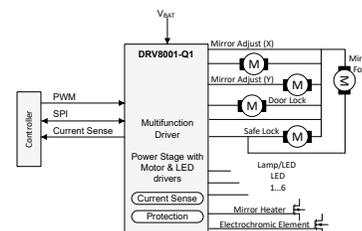
3 説明

DRV8001-Q1 デバイスには、モーター (誘導性)、抵抗性および容量性負荷の駆動と診断、ランプまたは LED の駆動、加熱素子やエレクトロクロミック素子などの特殊な負荷用 MOSFET の駆動など、複数のドア制御固有の機能が内蔵されています。これらのドライバには、過電圧および低電圧モニタリング、オフラインでの開放負荷および短絡診断、ゾーン ベースの温度モニタリングおよびシャットダウン保護などのオフラインおよびアクティブ診断用の保護機能が含まれています。このデバイスは、6 つの統合ハーフブリッジ (2 つのハイサイド代替モード)、6 つの統合ハイサイドドライバ、ヒータ用の外部ハイサイド ゲートドライバ 1 つ、エレクトロクロミック充電用の外部ハイサイド ゲートドライバ 1 つ、エレクトロクロミック負荷放電用の統合ローサイドドライバ 1 つを搭載しています。ハーフブリッジ、ハイサイド、ヒータ、ゲートドライバは、PWM 入力制御構成、センシング、診断、デバイス システム保護機能を備えています。各ハイサイドドライバに対して、専用のプログラマブルな内部 PWM ジェネレータがあります。すべての内蔵ドライバで比例電流センスピン出力を利用できる

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (公称) (2)
DRV8001-Q1	VQFN (40)	6.00mm × 6.00mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



概略回路図



目次

1 特長	1	8 DRV8001-Q1 レジスタ マップ	59
2 アプリケーション	1	8.1 DRV8000-Q1_STATUS レジスタ.....	62
3 説明	1	8.2 DRV8000-Q1_CNFG レジスタ.....	71
4 デバイスの比較	3	8.3 DRV8000-Q1_CTRL レジスタ.....	98
5 ピン構成および機能	4	9 アプリケーションと実装	108
6 仕様	6	9.1 アプリケーション情報.....	108
6.1 絶対最大定格.....	6	9.2 代表的なアプリケーション.....	108
6.2 ESD 定格 (車載機器).....	6	9.3 初期設定.....	110
6.3 推奨動作条件.....	6	9.4 電源に関する推奨事項.....	110
6.4 熱に関する情報 (RHA パッケージ).....	7	9.5 レイアウト.....	110
6.5 電気的特性.....	7	10 デバイスおよびドキュメントのサポート	112
6.6 タイミング要件.....	18	10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	112
7 詳細説明	19	10.2 サポート・リソース.....	112
7.1 概要.....	19	10.3 商標.....	112
7.2 機能ブロック図.....	20	10.4 静電気放電に関する注意事項.....	112
7.3 外付け部品.....	20	10.5 用語集.....	112
7.4 機能説明.....	21	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	112
7.5 プログラミング.....	56		

4 デバイスの比較

表 4-1. デバイスの比較

デバイス名	Hブリッジゲートドライバ	ハーフブリッジドライバ	ハイサイドドライバ	ランプ/LED HSドライバ	ECゲートドライバ	ヒータ HSゲートドライバ	電流シャントアンプ	パッケージ
DRV8000-Q1	1x	6x	5x	1x	1x	1x	1x	7x7 QFN-48 ウェットアップ ランク
DRV8000E-Q1	1x	6x	5x	1x	1x	1x	1x	7x7 QFN-48 ウェットアップ ランク
DRV8001-Q1	X	6x	5x	1x	1x	1x	X	6x6 QFN-40 ウェットアップ ランク
DRV8002-Q1	1x	6x	5x	1x	X	X	1x	7x7 QFN-48 ウェットアップ ランク

表 4-2. デバイス注文情報

デバイス	量産開始前の部品番号	発注用型番	EVM
DRV8000-Q1	PDRV8000QWRGZRQ1	DRV8000QWRGZRQ1	DRV8000-Q1EVM
	P2DRV8000QWRGZRQ1		
DRV8000E-Q1	PDRV8000EQWRHARQ1	DRV8000EQWRHARQ1	DRV8000-Q1EVM
DRV8001-Q1	PDRV8001QWRHARQ1	DRV8001QWRHARQ1	DRV8001-Q1EVM
DRV8002-Q1	PDRV8002QRGZRQ1	DRV8002QWRGZRQ1	DRV8000-Q1EVM
	P2DRV8002QWRGZRQ1		

選択の検討事項:

- DRV8000E-Q1 は High でオフ状態の抵抗と独立ハーフブリッジゲートドライバを搭載しており、低消費電力ブラシ付きモーターの開放負荷検出用に最適化されています。
- DRV8001-Q1 は Hブリッジゲートドライバが不要な小型パッケージのアプリケーション用に最適化されています。
- DRV8002-Q1 は、サイドミラーを使用せず、DRV8000/E-Q1 とピン互換のアプリケーション用に最適化されています。

5 ピン構成および機能

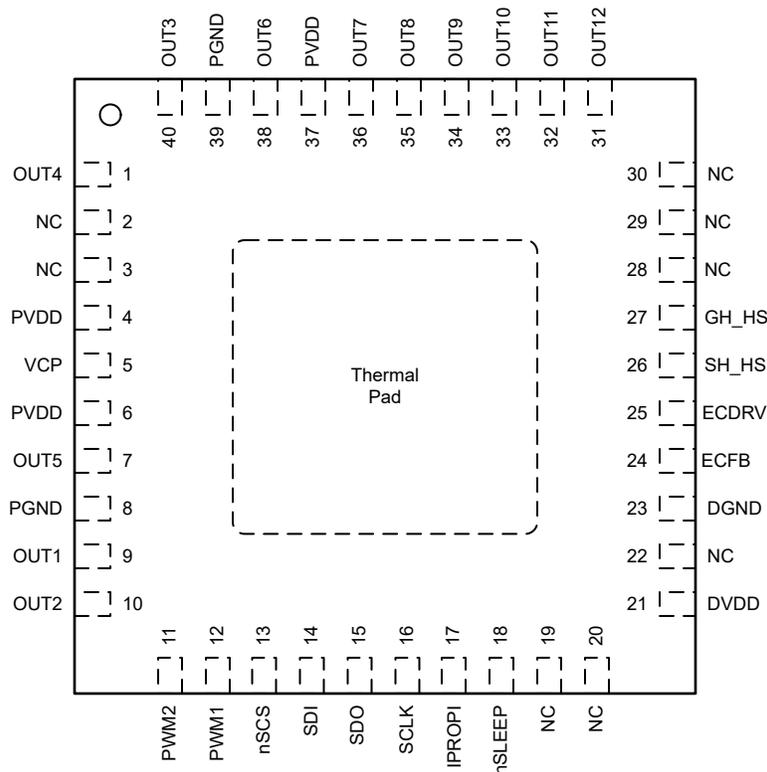


図 5-1. VQFN (RHA) 40 ピンパッケージおよびピン機能

表 5-1. ピンの機能

番号	ピン 名称	I/O ⁽¹⁾	タイプ	説明
1	OUT4	O	電源	440mΩ ハーフブリッジ出力 4。
2	NC	—	—	接続なし。
3	NC	—	—	接続なし。
4	PVDD	I	電源	デバイスドライバ電源入力。ブリッジ電源に接続します。PVDD ピンと GND ピンの間に 0.1μF の PVDD 定格セラミックコンデンサと 10μF 以上のローカルバルク容量を接続します。
5	VCP	I/O	電源	チャージポンプ出力。1μF、16V セラミックコンデンサを VCP ピンと PVDD ピンの間に接続します。
6	PVDD	I	電源	デバイスドライバ電源入力。ブリッジ電源に接続します。PVDD ピンと GND ピンの間に 0.1μF の PVDD 定格セラミックコンデンサと 10μF 以上のローカルバルク容量を接続します。
7	OUT5	O	電源	155mΩ ハーフブリッジ出力 5。
8	PGND	I/O	グラウンド	デバイスのグラウンド。システムグラウンドに接続。
9	OUT1	O	電源	1.54Ω ハーフブリッジ出力 1。
10	OUT2	O	電源	1.54Ω ハーフブリッジ出力 2。
11	PWM2	I	デジタル	ハーフブリッジドライバのレギュレーション用 PWM 入力 2
12	PWM1	I	デジタル	エレクトロクロムを除くすべてのドライバのレギュレーション用の PWM 入力 1。
13	nSCS	I	デジタル	シリアルチップ選択。このピンのロジック LOW により、シリアルインターフェイス通信が可能になります。内部プルアップ抵抗。

表 5-1. ピンの機能 (続き)

ピン		I/O ⁽¹⁾	タイプ	説明
番号	名称			
14	SDI	I	デジタル	シリアル データ入力。データは、SCLK ピンの立ち下がりがエッジでキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。
15	SDO	O	デジタル	シリアル データ出力。データは、SCLK ピンの立ち上がりエッジでシフトアウトされます。プッシュプル出力。
16	SCLK	I	デジタル	シリアル クロック入力。シリアル データは、このピンの対応する立ち上がりおよび立ち下がりがエッジでシフトアウトおよびキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。
17	IPROPI	I/O	アナログ	センス出力は、ドライバ負荷電流フィードバック、PVDD 電圧フィードバック、またはサーマル クラスタ温度フィードバックのいずれかから多重化されます。
18	nSLEEP	I	アナログ	デバイス イネーブル ピン。デバイスをシャットダウンし、スリープ モードに移行するロジック Low。内部プルダウン抵抗。
19	NC	–	–	接続なし。
20	NC	–	–	接続なし。
21	DVDD	I	電源	デバイスのロジック / デジタル出力電源入力。1.0 μ F、6.3V セラミック コンデンサを DVDD ピンと GND ピンの間に接続することを推奨します。
22	NC	–	–	接続なし。
23	DGND	I/O	グラウンド	デバイスのグラウンド。システム グラウンドに接続。
24	ECFB	I/O	電源	EC 制御用として、ピンは電圧モニタ入力および高速放電ローサイドスイッチとして使用されます。EC 駆動機能を使用しない場合は、このピンを 10k Ω 抵抗を介して GND に接続します。
25	ECDRV	O	アナログ	EC 制御では、ピンは EC 電圧調整用の外部 MOSFET のゲートを制御します
26	SH_HS	I	アナログ	ハイサイド ヒータ MOSFET のソース ピン、ヒータ負荷への出力。ハイサイド MOSFET のソースに接続します。
27	GH_HS	O	アナログ	ヒータ MOSFET 用ゲートドライバ出力。ハイサイド MOSFET のゲートに接続します。
28	NC	–	–	接続なし。
29	NC	–	–	接続なし。
30	NC	–	–	接続なし。
31	OUT12	O	電源	1.2 Ω ハイサイドドライバ出力 12。ローサイド負荷に接続します。
32	OUT11	O	電源	1.2 Ω ハイサイドドライバ出力 11。EC 駆動用の SC 保護スイッチとして構成できます。ローサイド負荷に接続します。
33	OUT10	O	電源	1.2 Ω ハイサイドドライバ出力 10。ローサイド負荷に接続します。
34	OUT9	O	電源	1.2 Ω ハイサイドドライバ出力 9。ローサイド負荷に接続します。
35	OUT8	O	電源	1.2 Ω ハイサイドドライバ出力 8。ローサイド負荷に接続します。
36	OUT7	O	電源	構成可能な R _{DS(on)} (400m Ω / 1200m Ω) を搭載したハイサイドドライバ出力。ローサイド負荷に接続します。
37	PVDD	I	電源	デバイスドライバ電源入力。ブリッジ電源に接続します。PVDD ピンと GND ピンの間に 0.1 μ F の PVDD 定格セラミック コンデンサと 10 μ F 以上のローカル バルク容量を接続します。
38	OUT6	O	電源	185m Ω ハーフ ブリッジ出力 6。
39	PGND	I/O	グラウンド	デバイスのグラウンド。システム グラウンドに接続。
40	OUT3	O	電源	440m Ω ハーフ ブリッジ出力 3。

(1) I = 入力、O = 出力

6 仕様

6.1 絶対最大定格

動作温度範囲外 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電源ピン電圧	PVDD	-0.3	40	V
電源過渡電圧ランブ	PVDD		2	V/μs
デジタル ロジック電源電圧ランブ	DVDD		2	V/μs
グラウンド ピン間の電圧差	GND, PGND	-0.3	0.3	V
チャージ ボンプ ピン電圧	VCP	-0.3	PVDD + 15	V
デジタルレギュレータピン電圧	DVDD	-0.3	5.75	V
ロジックピン電圧	PWM1, IPROPI, PWM2, DRVOFF, nSLEEP, SCLK, SDI, nSCS	-0.3	5.75	V
出力ロジックピン電圧	SDO	-0.3	V _{DVDD} + 0.3	V
出力ピン電圧	OUT1-OUT12	-0.3	V _{PVDD} + 0.9	V
出力電流	OUT1-OUT12, ECFB, ECDRV	内部的に制限	内部的に制限	A
ヒータおよびエレクトロクロミック MOSFET ゲート駆動ピン電圧	GH_HS	V _{SH_HS} - 0.3 ~ V _{SH_HS} + 13	V _{VCP} + 0.3	V
ヒータおよびエレクトロクロミック MOSFET ソースピン電圧	SH_HS, ECFB, ECDRV	-0.3	V _{PVDD} + 0.3	V
ハイサイドドライバおよびヒーター MOSFET ソースピンの最大エネルギー消費、T _J = 25 °C、L _{LOAD} < 100μH	OUT7-OUT12, SH_HS	-	1	mJ
周囲温度、T _A		-40	125	°C
接合部温度、T _J		-40	150	°C
保管温度、T _{stg}		-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。

6.2 ESD 定格 (車載機器)

		値	単位		
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 HBM ESD ⁽¹⁾ 分類レベル 2 準拠	PVDD、OUT1~OUT12、ECFB、GND	±4000	V
			その他のすべてのピン	±2000	V
	荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C4B 準拠	角のピン	±750		
		その他のピン	±500		

(1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

6.3 推奨動作条件

動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V _{PVDD}	電源電圧		5	35	V
V _{DVDD}	ロジック入力電圧		3.1	5.5	V
V _{DIN}	デジタル入力電圧		0	5.5	V
I _{DOUT}	デジタル出力電流		0	5	mA
f _{PWM}	入力 PWM 周波数		0	25	kHz

動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	公称値	最大値	単位
V _{IPROPI}	V _{PVDD} < 7 V のアナログ出力電圧	IPROPI	0		5.2	V
V _{IPROPI}	V _{PVDD} < 7 V のアナログ出力電圧	IPROPI	0	V _{PVDD} - 1.8		V
T _A	動作時周囲温度		-40		125	°C
T _J	動作時接合部温度		-40		150	°C

6.4 熱に関する情報 (RHA パッケージ)

熱評価基準 ⁽¹⁾		RHA パッケージ	単位
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	26.8	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	15.8	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	9.3	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	0.2	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	9.2	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	2.9	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

6.5 電気的特性

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V, 3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V, -40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位		
電源 (DVDD, VCP, PVDD)							
I _{PVDDQ}	PVDD スリープ モード電流	V _{PVDD} = 13.5V, nSLEEP = 0V -40 ≤ T _J ≤ 85°C		3.5	5.5	μA	
I _{DVDDQ}	DVDD スリープ モード電流	V _{PVDD} = 13.5V, nSLEEP = 0V -40 ≤ T _J ≤ 85°C		3	4	μA	
I _{PVDD}	PVDD アクティブ モード電流	V _{PVDD} = 13.5, nSLEEP = V _{DVDD}		6.2	11.5	mA	
I _{DVDD}	DVDD アクティブ モード電流	SDO = 0V		3.1	6.5	mA	
I _{PVDD_CP_DIS}	PVDD チャージ ポンプ無効モード電流	V _{PVDD} = 13.5 V, DIS_CP = 1, HEAT_EN = 0, EC_ON = 0, OUTx_EN = 0		1.4	4	mA	
I _{DVDD_CP_DIS}	DVDD チャージ ポンプ無効モード電流	V _{PVDD} = 13.5 V, DIS_CP = 1, HEAT_EN = 0, EC_ON = 0, OUTx_EN = 0		2.8	5.5	mA	
t _{SLEEP}	ターンオフ時間	nSLEEP = 0V でスリープ モード			1	ms	
t _{READY_HB_HS}	ハーフブリッジおよびハイサイドドライバのターンオン時間				5	ms	
t _{READY_HEAT}	ヒーターのターンオン時間				10	ms	
f _{VDD}	デジタル発信器のスイッチング周波数	拡散スペクトラムの 1 次周波数		12.83	14.25	15.68	MHz
f _{VDD}	デジタル発振器のスペクトラム拡散範囲	主要周波数のセンタースプレッド		-7		7	%
V _{VCP}	PVDD を基準とするチャージ ポンプレギュレータ電圧	V _{PVDD} > 7 V, I _{VCP} ≤ 80 μA		8.5	9	12.5	V
		V _{PVDD} = 5V, I _{VCP} ≤ 60μA		6.8	7.5	11	V
t _{CP_EN}	OUTx イネーブル後のチャージ ポンプのターンオン時間。初期化を含む。				3	ms	
I _{VCP_LIM}	チャージ ポンプの出力電流制限	V _{PVDD} = 13.5 V, C _{VCP} = 1 μF、チャージ ポンプ起動時の突入電流				750	μA
V _{CP_UV}	チャージ ポンプ低電圧スレッシュホールド	V _{VCP} - V _{PVDD} 、V _{VCP} 立ち下がり		5	6	7	V

DRV8001-Q1

JAJSWB2A – MARCH 2025 – REVISED DECEMBER 2025

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t _{CP_UV_DG}	チャージポンプ低電圧グリッチ除去時間		8	10	12.75	μs
論理レベル入力 (INx, nSLEEP, SCLK, SDI, など)						
V _{IL}	入力ロジック Low 電圧	PWM1、PWM2、nSLEEP、SCLK、SDI	0.3		V _{DVDD} × 0.3	V
V _{IH}	入力ロジック High 電圧	PWM1、PWM2、nSLEEP、SCLK、SDI	V _{DVDD} × 0.7		5.5	V
V _{HYS}	入力ヒステリシス	PWM1、PWM2、nSLEEP、SCLK、SDI		V _{DVDD} × 0.15		V
I _{IL}	入力ロジック Low 電流	V _{DIN} = 0 V、PWM1、PWM2、nSLEEP、SCLK、SDI	-5		5	μA
I _{IL}	入力ロジック Low 電流	V _{DIN} = 0V、nSCS		25	50	μA
I _{IH}	入力ロジック High 電流	V _{DIN} = V _{DVDD} 、nSCS	-5		5	μA
I _{IH}	入力ロジック High 電流	V _{DIN} = V _{DVDD} 、PWM1、PWM2、nSLEEP、SCLK、SDI		25	50	μA
R _{PD}	入力プルダウン抵抗	GND、PWM1、PWM2、nSLEEP、SCLK、SDI へ	140	200	260	kΩ
R _{PU}	入力プルアップ抵抗	DVDD、nSCS へ接続	140	200	265	kΩ
プッシュプル出力 SDO						
V _{OL}	出力ロジック Low 電圧	I _{OD} = 5mA			0.5	V
V _{OH}	ロジック High 出力電圧	I _{OD} = -5mA、SDO	DVDD × 0.8			V
ヒーター MOSFET ドライバ						
I _{GH_HS_HEAT}	平均充電電流	T _J = 25°C		50		mA
R _{G_L_HEAT}	オン抵抗(放電段)	I _{GH_HS_HEAT} = 25mA、T _J = 25°C	15	20	25	Ω
R _{G_L_HEAT}	オン抵抗(放電段)	I _{GH_HS_HEAT} = 25mA、T _J = 125°C		28	36	Ω
V _{GH_HS_HIGH}	GH_HS の High レベル出力電圧	V _{PVDD} = 5V、I _{CP} = 15mA	V _{SH_HS} + 6			V
V _{GH_HS_HIGH}	GH_HS の High レベル出力電圧	V _{PVDD} = 13.5V、I _{CP} = 15mA	V _{SH_HS} + 7.5	V _{SH_HS} + 10	V _{SH_HS} + 11.5	V
I _{HEAT_SH_STBY_LK}	SH_HS のリーク電流スタンバイ				25	μA
R _{GS_HEAT}	パッシブ ゲート クランプ抵抗			150		kΩ
t _{PDR_GH_HS}	GH_HS の立ち上がり伝搬遅延	V _{PVDD} = 13.5V、R _G = 0Ω、C _G = 2.7nF		0.6		μs
t _{PDF_GH_HS}	GH_HS の立ち下がり伝搬遅延	V _{PVDD} = 13.5V、V _{SH_HS} = 0V、R _G = 0Ω、C _G = 2.7nF		0.5		μs
t _{RISE_GH_HS}	立ち上がり時間(スイッチ モード)	V _{PVDD} = 13.5V、V _{SH_HS} = 0V、R _G = 0Ω、C _G = 2.7nF		300		ns
t _{FALL_GH_HS}	立ち下がり時間(スイッチ モード)	V _{PVDD} = 13.5V、V _{SH_HS} = 0V、R _G = 0Ω、C _G = 2.7nF		170		ns
ヒーター保護回路						

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V _{DS_LVL_HEAT} T	ヒーター用 MOSFET の V _{DS} 過電流保護スレッショルド	HEAT_VDS_LVL = 0000b	0.050	0.06	0.07	V
		HEAT_VDS_LVL = 0001b	0.067	0.08	0.093	V
		HEAT_VDS_LVL = 0010b	0.085	0.10	0.115	V
		HEAT_VDS_LVL = 0011b	0.102	0.12	0.138	V
		HEAT_VDS_LVL = 0100b	0.119	0.14	0.161	V
		HEAT_VDS_LVL = 0101b	0.136	0.16	0.184	V
		HEAT_VDS_LVL = 0110b	0.153	0.18	0.207	V
		HEAT_VDS_LVL = 0111b	0.17	0.2	0.23	V
		HEAT_VDS_LVL = 1000b	0.204	0.240	0.276	V
		HEAT_VDS_LVL = 1001b	0.238	0.280	0.322	V
		HEAT_VDS_LVL = 1010b	0.272	0.320	0.368	V
		HEAT_VDS_LVL = 1011b	0.306	0.360	0.414	V
		HEAT_VDS_LVL = 1100b	0.340	0.400	0.460	V
		HEAT_VDS_LVL = 1101b	0.374	0.440	0.506	V
		HEAT_VDS_LVL = 1110b	0.476	0.560	0.644	V
HEAT_VDS_LVL = 1111b	0.85	1	1.15	V		
t _{DS_HEAT_DG}	V _{DS} 過電流保護グリッチ除去時間	HEAT_VDS_DG = 00b	0.75	1	1.5	μs
		HEAT_VDS_DG = 01b	1.5	2	2.5	μs
		HEAT_VDS_DG = 10b	3.25	4	4.75	μs
		HEAT_VDS_DG = 11b	6	8	10	μs
t _{DS_HEAT_BLK}	V _{DS} 過電流保護ブランキング時間	HEAT_VDS_BLK = 00b	3.25	4	4.75	μs
		HEAT_VDS_BLK = 01b	6	8	10	μs
		HEAT_VDS_BLK = 10b	13	16	19	μs
		HEAT_VDS_BLK = 11b	27	32	37	μs
V _{OL_HEAT}	開放負荷スレッショルド電圧	V _{SH_HS} = 0V	1.8	2	2.2	V
I _{OL_HEAT}	プルアップ電流ソースの開放負荷診断が有効化	V _{SH_HS} = 0 V、V _{SHheater} = 4.5 V		1		mA
t _{OL_HEAT}	ヒーター MOSFET の開放負荷フィルタ時間			2		ms
エレクトロクロミックドライバ						
R _{DSON} ECFB	EC 放電用ローサイド MOSFET のオン抵抗	V _{PVDD} = 13.5V、T _J = 25°C、I _{ECFB} = ±0.25A ECFB_LS_EN = 1b		1375		mΩ
R _{DSON} ECFB	EC 放電用ローサイド MOSFET のオン抵抗	V _{PVDD} = 13.5V、T _J = 150°C、I _{ECFB} = ±0.125A ECFB_LS_EN = 1b			2500	mΩ
I _{OC_ECFB}	ローサイド MOSFET の過電流スレッショルド	V _{PVDD} = 13.5V、I _{ECFB} 電流シンク	0.5		1	A
t _{DG_OC_ECFB}	過電流シャットダウン グリッチ除去時間	V _{PVDD} < 20V、I _{ECFB} 電流シンク		40		μs
		V _{PVDD} > 20V、I _{ECFB} 電流シンク		15		μs
dV _{ECFB} /dt	ECFB およびローサイド MOSFET のスレーレート	V _{PVDD} = 13.5V、R _{load} = 64 Ω を P _{VDD} への接続		7		V/μs
I _{OL_ECFB_LS}	放電中の EC の開放負荷検出スレッショルド	EC_OLEN = 1b、ECFB_LS_EN = 1b	10	20	32	mA
t _{DG_OL_ECFB_LS}	開放負荷グリッチ解除時間	EC_OLEN = 1b、ECFB_LS_EN = 1b	400		600	μs

DRV8001-Q1

JAJSWB2A – MARCH 2025 – REVISED DECEMBER 2025

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V _{EC_CTRLmax}	ECFB 用の最大 EC 制御電圧ターゲット	ECFB_MAX = 1b	1.4		1.6	V
V _{EC_CTRLmax}	ECFB 用の最大 EC 制御電圧ターゲット	ECFB_MAX = 0b	1.12		1.28	V
V _{EC_res}	ECFB の可変電圧の最小分解能	EC_ON = 1b		23.8		mV
DNL _{ECFB}	微分非直線性	EC_ON = 1b	-2		2	LSB
dV _{ECFB}	ターゲットと ECFB 間の電圧偏差	V _{target} = 23.8mV、dV _{ECFB} =V _{target} - V _{ECFB} 、 I _{ECDRV} < 1μA	-5% (-1LSB)		+5% (+1LSB)	mV
dV _{ECFB}	ターゲットと ECFB 間の電圧偏差	V _{target} = 1.5V、dV _{ECFB} =V _{target} - V _{ECFB} 、 I _{ECDRV} < 1μA	-5% (-1LSB)		+5% (+1LSB)	mV
V _{ECFB_HI}	ECFB の電圧が目標より高いことを示します	EC_ON = 1b		V _{target} + 0.12		V
V _{ECFB_LO}	ECFB の電圧が目標値より低いことを示します	EC_ON = 1b		V _{target} - 0.12		V
t _{FT_ECFB}	ECFB High/Low フラグのフィルタ時間	EC_ON = 1b		32		μs
t _{BLK_ECFB}	EC 制御フラグのブランキング時間	任意の EC ターゲット電圧変更	200	250	300	μs
V _{ECFB_OV_TH}	ECFB の過電圧スレッショルド	ECFB_OV_MODE = 01b または 10b、EC_ON = 1b		3		V
t _{ECFB_OV_DG}	ECFB の過電圧フラグのグリッチ除去時間	ECFB_OV_MODE = 01b または 10b、ECFB_OV_DG = 00b	16	20	24	μs
		ECFB_OV_MODE = 01b または 10b、ECFB_OV_DG = 01b	40	50	60	μs
		ECFB_OV_MODE = 01b または 10b、ECFB_OV_DG = 10b	80	100	120	μs
		ECFB_OV_MODE = 01b または 10b、ECFB_OV_DG = 11b	160	200	240	μs
V _{ECDRVminHIGH}	EC_ON = 1 のときの ECDRV の出力電圧範囲	I _{ECDRV} = -10μA	4.5		6.5	V
V _{ECDRVmaxLOW}	EC_ON = 0 のときの ECDRV の出力電圧範囲	I _{ECDRV} = 10μA	0		0.7	V
I _{ECDRV}	ECDRV への電流	V _{target} > V _{ECFB} + 500 mV、V _{ECDRV} = 3.5V	-730		-80	μA
I _{ECDRV}	ECDRV への電流	V _{target} < V _{ECFB} - 500 mV、V _{ECDRV} = 1.0V、V _{target} = 1 LSB、V _{ECFB} = 0.5V	150		350	μA
R _{ECDRV_DIS}	高速放電モードにおける ECDRV のプルダウン抵抗	V _{ECDRV} = 0.7V、EC が有効であれば EC<5:0> = 0 または EC 無効			11	kΩ
t _{DISCHARGE}	自動放電パルス幅	ECFB_LS_PWM = 1b、ECFB_LS_EN = 1b	240	300	360	ms
t _{ECFB_DISC_BLK}	自動放電ブランキング時間	ECFB_LS_PWM = 1b、ECFB_LS_EN = 1b	2.25	3	3.75	ms
V _{DISC_TH}	PWM 放電レベル V _{ECDRV}	ECFB_LS_PWM = 1b、ECFB_LS_EN = 1b	335	400	465	mV
V _{DISC_TH_DIF}	PWM 放電スレッショルドレベル V _{ECDRV} - V _{ECFB}	ECFB_LS_PWM = 1b、ECFB_LS_EN = 1b	-50	0	50	mV
V _{ECFB_OLP_TH}	ECFB での開放負荷検出 スレッショルド	EC_EN = 0b、EC_DIAG = 10b		2		V
I _{ECFB_OLP}	開放負荷検出中の ECFB への電流	EC_EN = 0b、EC_DIAG = 10b		0.5		mA
t _{ECFB_OLP}	ECFB の開放負荷フィルタ時間	EC_ON = 0b、ECFB_DIAG = 10b	2	3	4	ms

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V, 3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V, -40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V _{ECFB_SC_TH}	ECFB の短絡検出のスレッショルド	EC_EN = 0b, EC_DIAG = 01b, ECFB_SC_RSEL = 00b		25		mV
		EC_EN = 0b, EC_DIAG = 01b, ECFB_SC_RSEL = 01b		50		mV
		EC_EN = 0b, EC_DIAG = 01b, ECFB_SC_RSEL = 10b		100		mV
		EC_EN = 0b, EC_DIAG = 01b, ECFB_SC_RSEL = 11b		150		mV
I _{ECFB_SC}	短絡検出中の ECFB への電流	EC_EN = 0b, EC_DIAG = 01b		50		mA
t _{ECFB_SC}	ECFB の短絡診断フィルタ時間	EC_ON = 0b, ECFB_DIAG = 01b	2	3	4	ms
ハーフブリッジドライバ						
R _{ON_OUT1,2_HS}	ハイサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 0.325A, T _J = 25°C		775		mΩ
		I _{OUT} = 0.325A, T _J = 150°C			1480	mΩ
R _{ON_OUT1,2_LS}	ローサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 0.325A, T _J = 25°C		765		mΩ
		I _{OUT} = 0.325A, T _J = 150°C			1460	mΩ
R _{ON_OUT3,4_HS}	ハイサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 1A, T _J = 25°C		220		mΩ
		I _{OUT} = 1A, T _J = 150°C			450	mΩ
R _{ON_OUT3,4_LS}	ローサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 1A, T _J = 25°C		220		mΩ
		I _{OUT} = 1A, T _J = 150°C			450	mΩ
R _{ON_OUT5_HS}	ハイサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 2A, T _J = 25°C		80		mΩ
		I _{OUT} = 2A, T _J = 150°C			160	mΩ
R _{ON_OUT5_LS}	ローサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 2A, T _J = 25°C		75		mΩ
		I _{OUT} = 2A, T _J = 150°C			150	mΩ
R _{ON_OUT6_HS}	ハイサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 1.75A, T _J = 25°C		90		mΩ
R _{ON_OUT6_HS}	ハイサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 1.75A, T _J = 150°C			180	mΩ
R _{ON_OUT6_LS}	ローサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 1.75A, T _J = 25°C		95		mΩ
R _{ON_OUT6_LS}	ローサイド MOSFET オン抵抗	I _{OUT} = 1.75A, T _J = 150°C			190	mΩ
SR _{OUT_HB}	ハーフブリッジ OUTx の出力電圧の立ち上がり立ち下がり時間、10% ~ 90%	PVDD = 13.5V, OUTx_SR = 00b		1.6		V/μs
SR _{OUT_HB}	ハーフブリッジ OUTx の出力電圧の立ち上がり立ち下がり時間、10% ~ 90%	PVDD = 13.5V, OUTx_SR = 01b		13.5		V/μs
SR _{OUT_HB}	ハーフブリッジ OUTx の出力電圧の立ち上がり立ち下がり時間、10% ~ 90%	PVDD = 13.5V, OUTx_SR = 10b		24		V/μs
t _{PD_OUT_HB_HS_R}	HS における出力電圧上昇時の伝搬時間	ON コマンドまたは INx (SPI 最終遷移) から OUTx が 10% 電圧上昇に達するまでの時間 (任意の SR 設定時)	2		10	μs
t _{PD_OUT_HB_HS_F}	HS における出力電圧降下時の伝搬時間	ON コマンドまたは INx (SPI 最終遷移) から OUTx が 10% 電圧低下に達するまでの時間 (任意の SR 設定時)	1.5		11	μs
t _{PD_OUT_HB_LS_R}	LS における出力電圧上昇時の伝搬時間	ON コマンドまたは INx (SPI 最終遷移) から OUTx が 10% 電圧上昇に達するまでの時間 (任意の SR 設定時)	1.5		10	μs

DRV8001-Q1

JAJSWB2A – MARCH 2025 – REVISED DECEMBER 2025

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V, 3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V, -40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t _{PD_OUT_HB_LS_F}	LS における出力電圧降下時の伝搬時間	ON コマンドまたは INx (SPI 最終遷移) から OUTx が 10% 電圧低下に達するまでの時間 (任意の SR 設定時)	1.5		10	μs
t _{DEAD_HS_ON}	HS における出力電圧上昇時のデッドタイム	PVDD = 13.5V, OUTx_ITRIP_LVL = 00b, すべての SR	1		6	μs
t _{DEAD_HS_OF}	HS における出力電圧降下時のデッドタイム	PVDD = 13.5V, OUTx_ITRIP_LVL = 00b, すべての SR	1		6	μs
t _{DEAD_LS_ON}	LS における出力電圧上昇時のデッドタイム	PVDD = 13.5V, OUTx_ITRIP_LVL = 00b, すべての SR	1		7	μs
t _{DEAD_LS_OF}	LS における出力電圧降下時のデッドタイム	PVDD = 13.5V, OUTx_ITRIP_LVL = 00b, すべての SR	1.7		14	μs
ハーフブリッジ保護回路						
I _{OCP_OUT1,2}	過電流保護スレッショルド		1.2		2.2	A
I _{OCP_OUT3,4}	過電流保護スレッショルド		4		8	A
I _{OCP_OUT5}	過電流保護スレッショルド		8		16	A
I _{OCP_OUT6}	過電流保護スレッショルド		7		13	A
t _{DG_OCP_HB}	ハーフブリッジドライバの過電流保護グリッチ除去時間	OUTX_OCP_DG = 00b	4.5	6	7.3	μs
		OUTX_OCP_DG = 01b	8	10	12	μs
		OUTX_OCP_DG = 10b	12	15	18	μs
		OUTX_OCP_DG = 11b	48	60	72	μs
I _{ITRIP_OUT1,2}	OUT1 および OUT2 に対する ITRIP レギュレーションのトリガーとなる電流スレッショルド	OUT1_ITRIP_LVL = 1b および OUT2_ITRIP_LVL = 1b	0.65		1.1	A
		OUT1_ITRIP_LVL = 0b および OUT2_ITRIP_LVL = 0b	0.5		0.9	A
I _{ITRIP_OUT3,4}	OUT3 および OUT4 に対する ITRIP レギュレーションのトリガーとなる電流スレッショルド	OUT3_ITRIP_LVL = 10b および OUT4_ITRIP_LVL = 10b	2.9		4.1	A
		OUT3_ITRIP_LVL = 01b および OUT4_ITRIP_LVL = 01b	1.6		3.25	A
		OUT3_ITRIP_LVL = 00b および OUT4_ITRIP_LVL = 00b	1		1.6	A
I _{ITRIP_OUT5}	OUT5 の ITRIP 制御をトリガする電流スレッショルド	OUT5_ITRIP_LVL = 10b	6.65		8.95	A
		OUT5_ITRIP_LVL = 01b	5.65		7.8	A
		OUT5_ITRIP_LVL = 00b	2.5		3.4	A
I _{ITRIP_OUT6}	OUT6 の ITRIP 制御をトリガする電流スレッショルド	OUT6_ITRIP_LVL = 10b	5.35		7.35	A
I _{ITRIP_OUT6}	OUT6 の ITRIP 制御をトリガする電流スレッショルド	OUT6_ITRIP_LVL = 01b	4.65		6.4	A
I _{ITRIP_OUT6}	OUT6 の ITRIP 制御をトリガする電流スレッショルド	OUT6_ITRIP_LVL = 00b	1.75		2.75	A
f _{ITRIP_HB}	ハーフブリッジドライバの ITRIP レギュレーションの固定周波数	OUTX_ITRIP_FREQ = 00b	17	20	23	kHz
		OUTX_ITRIP_FREQ = 01b	8	10	12	kHz
		OUTX_ITRIP_FREQ = 10b	4	5	6	kHz
		OUTX_ITRIP_FREQ = 11b	2	2.5	3	kHz
t _{DG_ITRIP_HB}	ハーフブリッジドライバの ITRIP レギュレーション グリッチ除去時間	OUTX_ITRIP_DG = 00b	1.5	2	2.5	μs
		OUTX_ITRIP_DG = 01b	4	5	6	μs
		OUTX_ITRIP_DG = 10b	8	10	12	μs
		OUTX_ITRIP_DG = 11b	16	20	24	μs

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
I _{OLA_OUT1,2}	ハーフブリッジ 1 および 2 の低電流スレッショルド		6	20	30	mA
I _{OLA_OUT3,4}	ハーフブリッジ 3 および 4 の低電流スレッショルド		15	50	90	mA
I _{OLA_OUT5}	ハーフブリッジ 5 の低電流スレッショルド		40	150	300	mA
I _{OLA_OUT6}	ハーフブリッジ 6 の低電流スレッショルド		30	120	240	mA
t _{OLA_HB}	ハーフブリッジ回路における開放負荷信号のフィルタ時間	ステータス ビットをセットするための開放負荷状態の継続時間		10		ms
A _{IPROP1,2}	OUT1 ~ 2 の電流スケール係数			650		A/A
A _{IPROP3,4}	OUT3 ~ 4 の電流スケール係数			1940		A/A
A _{IPROP5}	OUT5 の電流スケール係数			4000		A/A
A _{IPROP6}	OUT6 の電流スケール係数			3500		A/A
I _{ACC_1,2}	OUT1 ~ 2 の電流センス出力の精度	0.1A < I _{OUT1,2} < 0.25A	-15		15	%
		0.25A < I _{OUT1,2} < 0.5A	-10		10	%
		0.5 A < I _{OUT1,2} < 1 A、T _J < 125C	-8		8	%
		0.5 A < I _{OUT1,2} < 1 A、T _J > 125C	-12		12	%
I _{ACC_3,4}	OUT3~4 の電流センス出力の精度	0.1A < I _{OUT3,4} < 0.5A	-15		15	%
		0.5A < I _{OUT3,4} < 1A	-12		12	%
		1A < I _{OUT3,4} < 2A	-10		10	%
		2 A < I _{OUT3,4} < 4 A、T _J < 125C	-8		8	%
		2 A < I _{OUT3,4} < 4 A、T _J > 125C	-10		10	%
I _{ACC_5}	OUT5 の電流センス出力の精度	0.1A < I _{OUT5} < 0.8A	-40		40	%
		0.8A < I _{OUT5} < 2A	-12		12	%
		2A < I _{OUT5} < 4A	-10		10	%
		4A < I _{OUT5} < 8A	-8		8	%
I _{ACC_6}	OUT6 の電流センス出力エラー	0.1A < I _{OUT6} < 0.8A	-40		40	%
		0.8A < I _{OUT6} < 2A	-12		12	%
		2A < I _{OUT6} < 4A	-10		10	%
		4A < I _{OUT6} < 8A	-8		8	%
R _{S_GND}	OLP 動作中、OUTx から GND への抵抗スレッショルドをショートとして検出	V _{DVDD} = 5V、V _{OLP_REF} = 2.65V、OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b および HB_OLP_SEL > 0b	0.8		3	kΩ
R _{S_PVDD}	OLP 動作中、OUTx から PVDD への抵抗スレッショルドをショートとして検出	V _{PVDD} = 13.5 V、V _{DVDD} = 5 V、V _{OLP_REF} = 2.65 V、OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b、HB_OLP_SEL > 0b	3		15	kΩ
R _{S_PVDD}	OLP 動作中、OUTx から PVDD への抵抗スレッショルドをショートとして検出	5 V ≤ V _{PVDD} ≤ 35 V、V _{DVDD} = 5 V、V _{OLP_REF} = 2.65 V、OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b、HB_OLP_SEL > 0b	1		40	kΩ
R _{OPEN_HB}	OUTx の抵抗を開放として検出	V _{DVDD} = 5V、V _{OLP_REF} = 2.65V、OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b および HB_OLP_SEL > 0b	320		1500	Ω
V _{OLP_REFH}	OLP コンパレータ基準電圧 High	OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b および HB_OLP_SEL > 0b		2.85		V

DRV8001-Q1

JAJSWB2A – MARCH 2025 – REVISED DECEMBER 2025

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V _{OLP_REFL}	OLP コンパレータ基準電圧 Low	OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b および HB_OLP_SEL > 0b		1.7		V
R _{OLP_PU}	OLP 動作中の OUTx から VDD への内部プルアップ抵抗	OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b および HB_OLP_SEL > 0b		1		kΩ
R _{OLP_PD}	OLP 動作中の OUTx から VDD への内部プルダウン抵抗	OUTX_CNFG = 0b、HB_OLP_CNFG > 0b および HB_OLP_SEL > 0b		1		kΩ
ハイサイドドライバ						
R _{DSON} OUT7 (低 RDSON モード)	低抵抗モードにおけるハイサイド MOSFET のオン抵抗	T _J = 25°C、I _{OUT7} = ±0.375A		400		mΩ
		T _J = 150°C、I _{OUT7} = ±0.375A			730	mΩ
R _{DSON} OUT7 (高 RDSON モード)	高抵抗モードにおけるハイサイド MOSFET のオン抵抗	T _J = 25°C、I _{OUT7} = ±0.125A		1200		mΩ
		T _J = 150°C、I _{OUT7} = ±0.125A			2200	mΩ
R _{DSON} OUT8	ハイサイド MOSFET オン抵抗	T _J = 25°C、I _{OUT8} = ±0.125A		1200		mΩ
		T _J = 150°C、I _{OUT8} = ±0.125A			2200	mΩ
R _{DSON} OUT9	ハイサイド MOSFET オン抵抗	T _J = 25°C、I _{OUT9} = ±0.125A		1200		mΩ
		T _J = 150°C、I _{OUT9} = ±0.125A			2200	mΩ
R _{DSON} OUT10	ハイサイド MOSFET オン抵抗	T _J = 25°C、I _{OUT10} = ±0.125A		1200		mΩ
		T _J = 150°C、I _{OUT10} = ±0.125A			2200	mΩ
R _{DSON} OUT11	ハイサイド MOSFET オン抵抗	T _J = 25°C、I _{OUT11} = ±0.125A		1200		mΩ
		T _J = 150°C、I _{OUT11} = ±0.125A			2200	mΩ
R _{DSON} OUT12	ハイサイド MOSFET オン抵抗	T _J = 25°C、I _{OUT12} = ±0.125A		1200		mΩ
		T _J = 150°C、I _{OUT12} = ±0.125A			2200	mΩ
SR _{HS_OUT7_HI}	OUT7 の High R _{DSON} モードにおけるスルーレート (最終的な OUT 値の 10 ~ 90%)	OUT7_RDSON_MODE = 0b、PVDD = 13.5V、Rload = 64 Ω		0.3		V/μs
SR _{HS_OUT7_LO}	OUT7 の Low R _{DSON} モードにおけるスルーレート (最終的な OUT 値の 10 ~ 90%)	OUT7_RDSON_MODE = 1b、PVDD = 13.5V、Rload = 16 Ω		0.24		V/μs
SR _{HS}	OUT8 ~ OUT12 のスルーレート (最終的な OUT 値の 10 ~ 90%)	PVDD = 13.5V、Rload 64 Ω		1.4		V/μs
t _{PD_OUT7_HI_ON}	OUT7 の High R _{DSON} モードにおけるドライバ立ち上がり伝搬遅延時間 (ハイサイド ON コマンド間 (SPI 最終遷移) から最終的な OUT7 値の 10% までの遅延)	OUT7_RDSON_MODE = 0b、PVDD = 13.5V、Rload = 64 Ω		16		μs
t _{PD_OUT7_HI_OFF}	OUT7 の High R _{DSON} モードにおけるドライバ立ち上がり伝搬遅延時間 (ハイサイド OFF コマンド間 (SPI 最終遷移) から最終的な OUT7 値の 90% までの遅延)	OUT7_RDSON_MODE = 0b、PVDD = 13.5V、Rload = 64 Ω		16		μs
t _{PD_OUT7_LO_ON}	OUT7 の Low R _{DSON} モードにおけるドライバ立ち上がり伝搬遅延時間 (ハイサイド ON コマンド間 (SPI 最終遷移) から最終的な OUT7 値の 10% までの遅延)	OUT7_RDSON_MODE = 1b、PVDD = 13.5V、Rload = 16 Ω		19		μs

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t _{PD_OUT7_LO_OFF}	OUT7 の Low R _{DS(on)} モードにおけるドライバ立ち上がり伝搬遅延時間 (ハイサイド OFF コマンド間 (SPI 最終遷移) から最終的な OUT7 値の 90% までの遅延)	OUT7_RDSON_MODE = 1b、PVDD = 13.5V、Rload = 16 Ω		19		μs
t _{PD_HS_ON}	ハイサイドドライバ OUT8~OUT12 の立ち上がり伝播遅延時間ドライバ (ハイサイド ON コマンド (SPI 最終遷移) から最終 OUTx 値の 10% 到達までの遅延)	PVDD= 13.5V、Rload = 64 Ω		4		μs
t _{PD_HS_OFF}	ハイサイドドライバ OUT8~OUT12 の立ち下がり伝播遅延時間ドライバ (ハイサイド OFF コマンド (SPI 最終遷移) から最終 OUTx 値の 90% 到達までの遅延)	PVDD= 13.5V、Rload = 64 Ω		4		μs
f _{PWMx(00)}	PWM スwitchング周波数	PWM_OUTX_FREQ = 00b	78	108	138	Hz
f _{PWMx(01)}	PWM スwitchング周波数	PWM_OUTX_FREQ = 01b	157	217	277	Hz
f _{PWMx(10)}	PWM スwitchング周波数	PWM_OUTX_FREQ = 10b	229	289	359	Hz
f _{PWMx(11)}	PWM スwitchング周波数	PWM_OUTX_FREQ = 11b	374	434	494	Hz
I _{LEAK_H}	OUT7 ~ 12 のスイッチオフ出力電流ハイサイドドライバ	V _{OUT} = 0V、スタンバイ モード	-10			μA
ハイサイドドライバ保護回路						
I _{OC7}	高 R _{DS(on)} モードでの過電流スレッシュホールド	OUT7_RDSON_MODE = 0b	500		1000	mA
	低 R _{DS(on)} モードでの過電流スレッシュホールド	OUT7_RDSON_MODE = 1b	1500		3000	mA
I _{OC8} 、I _{OC9} 、I _{OC10} 、I _{OC11} 、I _{OC12}	OUT8 ~ OUT12 の過電流しきい値	OUTX_OC_TH = 0b	250		500	mA
		OUTX_OC_TH = 1b	500		1000	mA
I _{CCM_OUT7}	ハイサイドドライバ OUT7 の高 R _{DS(on)} における定電流レベル	OUT7_RDSON_MODE = 0b、OUT7_CCM_EN = 1b、OUT7_CCM_TO = 0b	180	250	330	mA
		OUT7_RDSON_MODE = 0b、OUT7_CCM_EN = 1b、OUT7_CCM_TO = 1b	240	330	420	mA
I _{CCM_OUT7}	ハイサイドドライバ OUT7 の低 R _{DS(on)} モードにおける定電流レベル	OUT7_RDSON_MODE = 1b、OUT7_CCM_EN = 1b、OUT7_CCM_TO = 0b	210	360	530	mA
I _{CCM_OUT7}		OUT7_RDSON_MODE = 1b、OUT7_CCM_EN = 1b、OUT7_CCM_TO = 1b	250	450	650	mA
I _{CCM}	ハイサイドドライバ OUT8-12 の定電流レベル	OUTX_CCM_EN = 1b、OUTX_CCM_TO = 0b	240	350	450	mA
		OUTX_CCM_EN = 1b、OUTX_CCM_TO = 1b	320	450	580	mA
t _{CCMto}	定電流モードの時間満了	OUTX_CCM_EN = 1b	8	10	12	ms
V _{SC_DET}	OUT7-12 の短絡検出電圧			2		V
t _{SC_BLK}	OUT7-12 における短絡検出、ITRIP レギュレーション、過電流保護のためのブランク時間			40		μs

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
T _{HS_DG_OUT7}	OUT7 における短絡検出、ITRIP レギュレーション、過電流保護のためのグリッチ除去時間	OUT7_ITRIP_DG = 00b、PVDD ≤ 20V	39	48	59	μs
		OUT7_ITRIP_DG = 01b、PVDD ≤ 20V	32	40	48	μs
		OUT7_ITRIP_DG = 10b、PVDD ≤ 20V	26	32	38	μs
		OUT7_ITRIP_DG = 11b、PVDD ≤ 20V	19	24	29	μs
		PVDD > 20V	9	12	14	μs
f _{ITRIP_HS_OUT7}	ハイサイドドライバ OUT7 の ITRIP 周波数	OUT7_ITRIP_FREQ = 00b		1.7		kHz
		OUT7_ITRIP_FREQ = 01b		2.2		kHz
		OUT7_ITRIP_FREQ = 10b		3		kHz
		OUT7_ITRIP_FREQ = 11b		4.4		kHz
t _{HS_DG_OUTx}	OUT8-12 における短絡検出、ITRIP レギュレーション、過電流保護のためのグリッチ除去時間	OUTX_ITRIP_DG = 00b、PVDD ≤ 20V	39	48	59	μs
		OUTX_ITRIP_DG = 01b、PVDD ≤ 20V	32	40	48	μs
		OUTX_ITRIP_DG = 10b、PVDD ≤ 20V	26	32	38	μs
		OUTX_ITRIP_DG = 11b、PVDD ≤ 20V	19	24	29	μs
		PVDD > 20V	9	12	14	μs
f _{ITRIP_HS_OUTX}	ハイサイドドライバ OUT8-12 の ITRIP 周波数	HS_OUT_ITRIP_FREQ = 00b		1.7		kHz
		HS_OUT_ITRIP_FREQ = 01b		2.2		kHz
		HS_OUT_ITRIP_FREQ = 10b		3		kHz
		HS_OUT_ITRIP_FREQ = 11b		4.4		kHz
I _{OLD7}	OUT7 の開放負荷スレッショルド	OUT7_RDSON_MODE = 1b			30	mA
	OUT7 の開放負荷スレッショルド	OUT7_RDSON_MODE = 0b	5		10	mA
I _{OLD8} 、I _{OLD9} 、I _{OLD10} 、I _{OLD11} 、I _{OLD12}	OUT8 ~ OUT12 の開放負荷スレッショルド	OUTX_OLA_TH = 0b	1.3		3.3	mA
		OUTX_OLA_TH = 1b	4		12	mA
t _{OLD_HS}	ハイサイドドライバの開放負荷信号のフィルタ時間	ステータスビットをセットするための開放負荷状態の継続時間		200	250	μs
A _{I_{PROPI7_HI}}	高オン抵抗モードでの OUT7 の電流スケール係数	OUT7_RDSON_MODE = 0b		250		A/A
A _{I_{PROPI7_LO}}	低オン抵抗モードでの OUT7 の電流スケール係数	OUT7_RDSON_MODE = 1b		750		A/A
A _{I_{PROPI8}} 、A _{I_{PROPI9}} 、A _{I_{PROPI10}} 、A _{I_{PROPI11}} 、A _{I_{PROPI12}}	OUT8 ~ 12 の電流スケール係数			250		A/A
I _{ACC_7_HI_RDSON}	高 R _{DSON} モードにおける OUT7 の電流センス出力精度	0.1A < I _{OUT7} < 0.5A	-18		18	%
I _{ACC_7_HI_RDSON}	高 R _{DSON} モードにおける OUT7 の電流センス出力精度	I _{OUT7} = 0.25A	-10		10	%
I _{ACC_7_LOW_RDSON}	低 RDSON モードでの OUT7 の電流センス出力精度	0.5A < I _{OUT7} < 1.5A	-14		14	%
I _{ACC_7_LOW_RDSON}	低 RDSON モードでの OUT7 の電流センス出力精度	I _{OUT7} = 1A	-8		8	%
I _{ACC_8-12_LO}	低電流時の OUT8 ~ OUT12 の電流センス出力精度	0.05A < I _{OUT8-12} < 0.1A	-28		28	%

5 V \leq V_{PVDD} \leq 35 V、3.1 V \leq V_{DVDD} \leq 5.5 V、-40°C \leq T_J \leq 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
I _{ACC_8-12_LO}	低電流時の OUT8 ~ OUT12 の電流センス出力精度	I _{OUT8-12} < 0.075A	-20		20	%
I _{ACC_8-12_LO}	低電流時の OUT8 ~ OUT12 の電流センス出力精度	I _{OUT8-12} < 0.1A	-18		18	%
I _{ACC_8-12_HI}	高電流時の OUT8 ~ OUT12 の電流センス出力精度	0.1A < I _{OUT8-12} < 0.5A	-18		18	%
I _{ACC_8-12_HI}	高電流時の OUT8 ~ OUT12 の電流センス出力精度	I _{OUT8-12} = 0.25A	-10		10	%
I _{ACC_8-12_HI}	高電流時の OUT8 ~ OUT12 の電流センス出力精度	I _{OUT8-12} = 0.5A	-6		6	%
t _{I_{PROPI_BLK}}	IPROPI ブランキング時間	OUT7-12 は IPROPI 準備完了時に High になり、ハイサイドドライバ電流を監視する場合にのみ適用されます		60		μs
		IPROPI マルチプレクサの IPROPI 準備完了への切り替え		5		μs
保護回路						
V _{PVDD_UV}	PVDD 低電圧スレッシュホールド	V _{PVDD} 立ち上がり	4.425	4.725	5	V
		V _{PVDD} 立ち下がり	4.225	4.525	4.8	V
V _{PVDD_UV_HYS}	PVDD 低電圧ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりへのスレッシュホールド		250		mV
t _{PVDD_UV_DG}	PVDD 低電圧グリッチ除去時間		8	10	12.75	μs
V _{PVDD_OV}	PVDD 過電圧スレッシュホールド	V _{PVDD} 立ち上がり、PVDD_OV_LVL = 0b	20	21	22	V
		V _{PVDD} 立ち下がり、PVDD_OV_LVL = 0b	19	20	21	V
		V _{PVDD} 立ち上がり、PVDD_OV_LVL = 1b	25.75	26.8	28	V
		V _{PVDD} 立ち下がり、PVDD_OV_LVL = 1b	24.75	25.8	27	V
V _{PVDD_OV_HYS}	PVDD 過電圧ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりへのスレッシュホールド		1		V
t _{PVDD_OV_DG}	PVDD 過電圧グリッチ除去時間	PVDD_OV_DG = 00b	0.75	1	1.5	μs
		PVDD_OV_DG = 01b	1.5	2	2.5	μs
		PVDD_OV_DG = 10b	3.25	4	4.75	μs
		PVDD_OV_DG = 11b	7	8	9	μs
V _{DVDD_POR}	DVDD 電源 POR スレッシュホールド	DVDD 立ち下がり	2.5	2.7	2.9	V
		DVDD 立ち上がり	2.6	2.8	3	V
V _{DVDD_POR_HYS}	DVDD POR ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりへのスレッシュホールド		100		mV
t _{DVDD_POR_DG}	DVDD POR グリッチ除去時間		5	12	25	μs
t _{WD}	ウォッチドッグウィンドウの最小値	WD_WIN = 0b	3.4	4	4.6	ms
		WD_WIN = 1b	8.5	10	11.5	ms
	ウォッチドッグウィンドウの最大値	WD_WIN = 0b	10.5	12	13.5	ms
		WD_WIN = 1b	85	100	115	ms
A _{I_{PROPI_PVD}D_VOUT}	IPROPI PVDD 電圧センス出力スケール係数 (V _{PVDD} // I _{PROPI})	IPROPI_SEL = 10000b (5V ~ 22V のセンス範囲)	9	11	13	V/mA
A _{I_{PROPI_PVD}D_VOUT}	IPROPI PVDD 電圧センス出力スケール係数 (V _{PVDD} // I _{PROPI})	IPROPI_SEL = 101010b (20V ~ 32V のセンス範囲)	13.5	16.5	19.5	V/mA
V _{I_{PROPI_TEMP}P_VOUT}	IPROPI 温度検出出力		-20		+20	°C

5 V ≤ V_{PVDD} ≤ 35 V、3.1 V ≤ V_{DVDD} ≤ 5.5 V、-40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)。標準的な制限は、V_{PVDD} = 13.5 V、V_{DVDD} = 5 V および T_J = 25°C に対して適用されます。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
T _{OTW1}	低温警告温度	T _J 立ち上がり	105	120	135	°C
T _{OTW2}	過熱警告温度	T _J 立ち上がり	125	140	155	°C
T _{HYS}	過熱警告ヒステリシス			20		°C
T _{OTSD}	サーマル シャットダウン温度	T _J 立ち上がり	155	170	185	°C
T _{HYS}	サーマル シャットダウン ヒステリシス			20		°C
t _{OTSD_DG}	サーマル シャットダウン グリッチ除去時間			10		μs

6.6 タイミング要件

		最小値	公称値	最大値	単位
f _{SPI}	SPI 対応クロック周波数 ^{(1) (2)}			5	MHz
t _{READY_SPI}	パワーアップ後、SPI レディまで			1	ms
t _{CLK}	SCLK の最小周期	200			ns
t _{CLKH}	SCLK 最小 High 時間	100			ns
t _{CLKL}	SCLK の最小 Low 時間	100			ns
t _{HI_nSCS}	nSCS 最小 HIGH 時間	300			ns
t _{SU_nSCS}	nSCS 入力セットアップ時間	25			ns
t _{H_nSCS}	nSCS 入力ホールド時間	25			ns
t _{SU_SDI}	SDI 入力データ セットアップ時間	25			ns
t _{H_SDI}	SDI 入力データ ホールド時間	25			ns
t _{D_SDO}	SDO 出力データ遅延時間、C _L = 20pF ⁽¹⁾			60	ns
t _{EN_nSCS}	イネーブル遅延時間、nSCS Low から SDO アクティブまで			50	ns
t _{DIS_nSCS}	ディセーブル遅延時間、nSCS High から SDO Hi-Z まで			50	ns

- (1) SDO 遅延時間は、SDO の外部負荷 (C_L) が 20pF の場合にのみ有効です。SDO の負荷を増加すると、SDO にさらに遅延が加えられ、SCLK の最大値が制限されます。
- (2) パラメータについては SPI タイミング図を参照してください。

7 詳細説明

7.1 概要

DRV8001-Q1 デバイスには、モーター（誘導性）、抵抗性、容量性負荷の駆動および診断のための複数の機能を使用する複数のタイプのドライバが内蔵されています。このデバイスは、6 個の内蔵ハーフブリッジ、6 個の内蔵ハイサイドドライバ、ヒータ用の 1 個のハイサイド外部 MOSFET ゲートドライバ、1 個のエレクトロクロミック充電用ハイサイドゲートドライバ、1 個のエレクトロクロミック負荷放電用ローサイドドライバを搭載しています。各ドライバは、電流検出、保護、診断機能に加え、システム保護および診断機能を備えており、システム統合性を高めるとともに、システム全体のサイズとコストを削減します。

ハーフブリッジドライバは、SPI レジスタまたは PWM ピンの PWM1 および PWM2 によって制御できます。ハーフブリッジには、ITRIP と呼ばれる電流チョッピング方式が設定可能です。保護回路には、短絡保護、アクティブおよびパッシブなオープンロード検出が含まれます。

ハイサイドドライバは、SPI レジスタ、外部 PWM ピン (PWM1)、または専用の PWM ジェネレータによって制御でき、動作中の負荷調整が可能です。すべてのハイサイドドライバには、LED やランプ モジュール負荷向けのオプション機能として、定電流モードおよび ITRIP 制御が備わっています。1 個のハイサイドドライバは、ランプまたは LED 負荷のいずれかを駆動するように構成できます。保護回路には、短絡保護や開放負荷検出が搭載されています。

このデバイスは、抵抗性発熱体用の外付け MOSFET ドライバも備えています。ヒータ MOSFET ドライバは、SPI レジスタまたは PWM ピン (PWM1) で制御でき、短絡および負荷開放検出の両方の機能を備えています。

また、エレクトロクロミック (EC) ミラードライバもあります。EC ドライバは、SPI レジスタでのみ制御されます。EC 駆動の場合、ドライバ制御ループは EC 電圧を 6 ビットの目標電圧にレギュレートします。EC 素子を放電したり、目標電圧を変更したりするために、EC 素子を放電する内蔵ローサイド MOSFET が 2 つの放電モード、PWM 放電と高速放電オプションのいずれかで用意されています。EC ドライバ保護には、LS 過電流および開放負荷検出が含まれます。

IPROPI ピンは出力ピンであり、内蔵ドライバのいずれかからの比例電流検出信号、PVDD モータ電源モニタ、または 4 つの内部温度クラスタのいずれかの信号を出力できます。

7.2 機能ブロック図

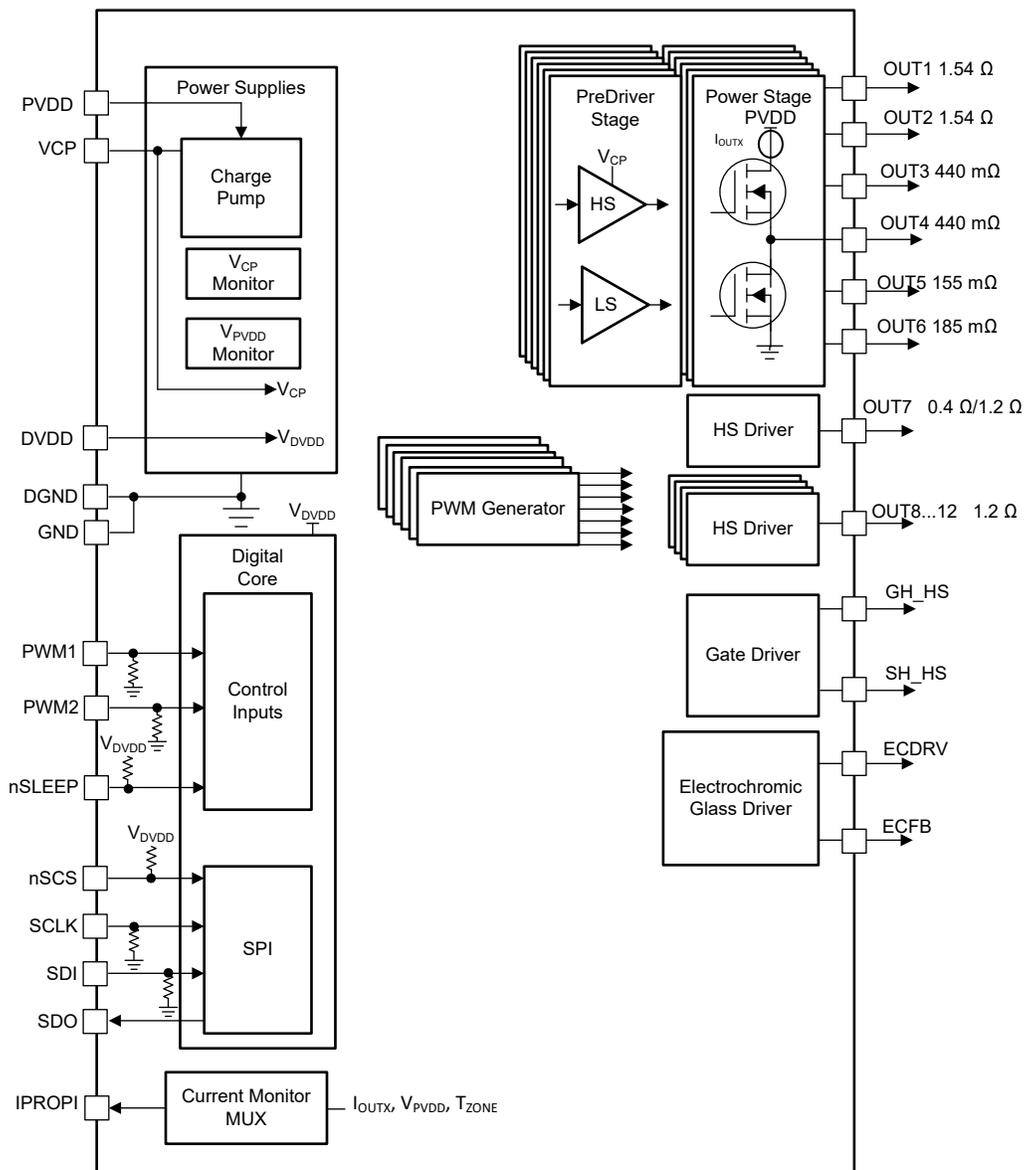


図 7-1. DRV8001-Q1 のブロック図

7.3 外付け部品

表 7-1 に、推奨の外付け部品を示します。部品の配置例についてはセクション 9.2 を参照してください。

表 7-1. 推奨外付け部品

部品	ピン 1	ピン 2	推奨
CPVDD1	PVDD	GND	0.1μF、低 ESR セラミック コンデンサ、PVDD 定格。
CPVDD2	PVDD	GND	PVDD 定格の 10μF 以上のローカル バルク容量。
CDVDD	DVDD	GND	1μF 6.3V、低 ESR セラミック コンデンサ
CVCP	VCP	PVDD	1μF 16V、低 ESR セラミック コンデンサ
RIPROPI	IPROPI	GND	通常、コントローラの電源電圧レールに応じて、最大 2.35kΩ、0.063W、許容差 1% の抵抗が使用されます。

表 7-1. 推奨外付け部品 (続き)

部品	ピン 1	ピン 2	推奨
R _{FILT}	R _{IPROPI}	C _{FILT}	コントローラ入力に応じて、RC フィルタの一部としてオプションで抵抗を使用します。
C _{FILT}	R _{FILT}	GND	コントローラ入力に応じて、RC フィルタの一部としてオプションで低 ESR セラミック コンデンサを使用します。
R _{ECDRV}	ECDRV	GND	通常、制御ループを安定させるために、ECDRV ピンと外付け MOSFET のゲート間に 220Ω の直列抵抗を挿入します (ESD 対策のみ)。 R _{ECDRV} は、C _{ECDRV} の後の外部 MOSFET のゲートの近くに配置します。
C _{ECDRV}	ECDRV	GND	4.7nF、低 ESR セラミック コンデンサ。C _{ECDRV} は、直列抵抗 R _{ECDRV} の ECDRV ピン側に配置します。 注 このコンデンサの電圧定格は、ECFB のバッテリー短絡の想定に基づいています。
C _{ECFB}	ECFB	GND	220nF、低 ESR セラミック コンデンサ 注 このコンデンサの電圧定格は、ECFB のバッテリー短絡の想定に基づいています。
R _{GH_HS}	GH_HS	MOSFET ゲート	オプションの 0Ω を使用して、ヒーターのスルーレート制御を実現できます。
R _{SH_HS}	SH_HS	MOSFET ソース	オプションの 0Ω はヒーターのバッテリー短絡の想定に使用できません。 注 誘導性の短絡が発生した場合に備えて、適切な電流定格を持つ外付けダイオードを推奨します。

7.4 機能説明

次の表に、デバイスの主要なブロックの機能に関するすべての説明へのリンクを示します。

表 7-2. セクションごとのデバイスの特長表

デバイスのブロック
ヒータ MOSFET ドライバ
エレクトロクロミック ガラス ドライバ
ハイサイド ドライバ
ハーフブリッジ ドライバ
IPROPI
保護回路
サーマル クラスタ
障害表

7.4.1 ヒータ MOSFET ドライバ

表 7-3. ヒータ ドライバ セクションの目次

ヒータ セクション	セクションへのリンク
機能セクションのトップに戻る	セクション 7.4
ヒータドライバ制御	セクション 7.4.1.1
ヒータドライバの保護	セクション 7.4.1.2

これは、抵抗性発熱素子の駆動に使用できる外付けのハイサイド MOSFET ゲートドライバです。ドライバは SPI または PWM で制御され、アクティブ短絡検出とオフ状態での開放負荷検出がプログラム可能です。

7.4.1.1 ヒータ MOSFET ドライバ制御

ヒータ MOSFET ドライバ制御モードは、レジスタ **HS_HEAT_OUT_CNFG** の **HEAT_CNFG** ビットで設定されます。ヒータ構成ビットは、ヒーター出力の制御をイネーブルまたはディセーブルにし、制御ソースを構成します。ヒータドライバの場合、制御ソースは SPI レジスタ制御と PWM ピン制御です。

SPI レジスタ制御モード (**HEAT_CNFG = 01b**) では、レジスタ **HS_EC_HEAT_CTRL** のビット **HEAT_EN** をセットすることで、ヒータ MOSFET ゲート駆動がイネーブルおよびディセーブルされます。

PWM 制御モード (**HEAT_CNFG = 10b**) では、ゲートドライバはピン PWM1 の外部 PWM 信号によって制御されます。ヒータドライバが PWM 制御モードにある場合、**HEAT_EN** は無視されます。

次の表は、ヒータドライバの設定および制御オプションをまとめたものです。

表 7-4. ヒータの設定

HEAT_CNFG ビット	構成	説明
00b	ディセーブル	ヒータ コントロール無効
01b	SPI レジスタの制御	ヒータ SPI 制御がイネーブル
10b	PWM1 制御	PWM1 ピンによるヒーター制御
11b	予約済み	予約済み

以下は、ヒータドライバ ブロックのブロック図です。

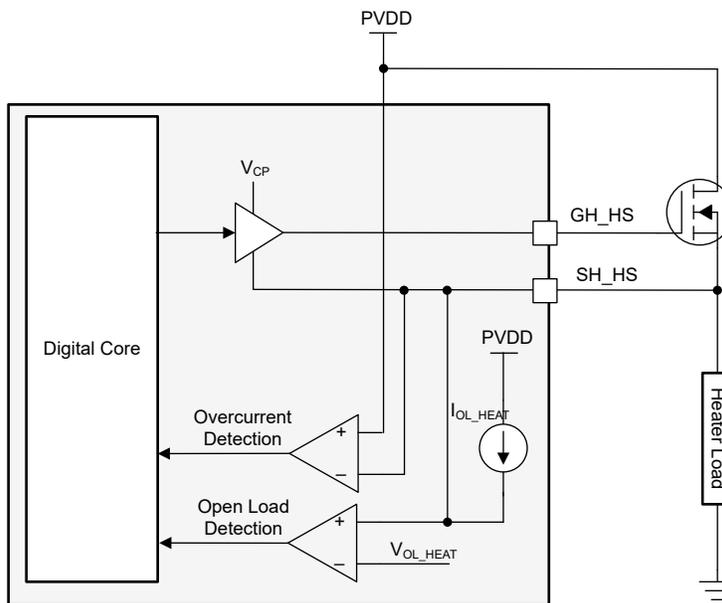


図 7-2. ヒータ MOSFET ドライバのブロック図

以下のタイミング波形は、ヒータドライバに予想されるタイミングを示しています。

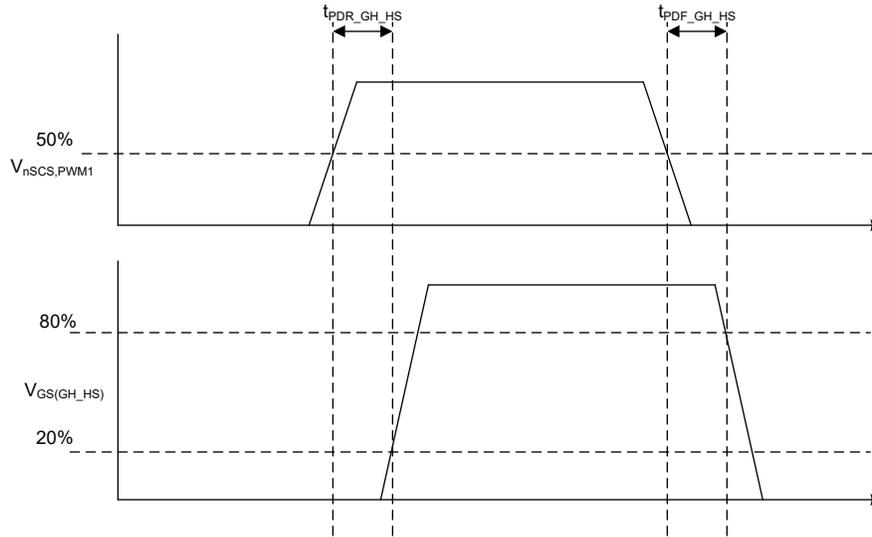


図 7-3. ヒータのタイミング図

7.4.1.2 ヒータ MOSFET ドライバの保護

ヒータドライバは、アクティブな短絡検出と、オフ状態の開路検出を備えています。

7.4.1.2.1 ヒータ SH_HS 内部ダイオード

SH_HS ピンの内部 ESD ダイオードによって消費されるのは、限られた量のエネルギー (1mJ 未満) のみです。負荷短絡が発生した場合に備え、グラウンドと SH_HS ピンの間に外付けダイオードを追加することを TI は推奨しています。ヒータ負荷が短絡しているとき、電流は外部ヒータ MOSFET の飽和電流のみによって制限されます。短絡検出によりヒータ出力をシャットオフするように構成した場合、同じ電流がグラウンドから SH_HS まで内部 ESD ダイオードを経由して消費されますが、これは、内部 ESD ダイオードが消費できる量より大きい値です。

7.4.1.2.2 ヒータ MOSFET V_{DS} 過電流保護 (HEAT_VDS)

ヒータドライバ V_{DS} 過電流コンパレータの両端の電圧が、 $V_{DS_LVL_HEAT}$ を超えた状態が、 $t_{DS_HEAT_DG}$ 時間より長く続くと、ヒータ過電流状態が検出されます。電圧スレッシュホールドとグリッチ除去時間は、HEAT_CNFG レジスタの設定により調整できます。

表 7-5. ヒータ VDS レベル

HEAT_VDS_LVL	VDS 電圧レベル
0000b	0.06V
0001b	0.08V
0010b	0.10V
0011b	0.12V
0100b	0.14V
0101b	0.16V
0110b	0.18V
0111b	0.2V
1000b	0.24V
1001b	0.28V
1010b	0.32V
1011b	0.36V
1100b	0.4V

表 7-5. ヒータ VDS レベル (続き)

HEAT_VDS_LVL	VDS 電圧レベル
1101b	0.44V
1110b	0.56V
1111b	1V

表 7-6. ヒータ VDS グリッチ除去時間

HEAT_VDS_DG	時間
00b	1 μ s
01b	2 μ s
10b	4 μ s
11b	8 μ s

ヒータ MOSFET V_{DS} モニタ ブランキング期間もあり、レジスタ **HEAT_CNFG** 内のビット **HEAT_VDS_BLK** で設定されます。4 つのブランキング時間の選択肢があります。

表 7-7. ヒータ VDS のブランキング時間

HEAT_VDS_BLK	時間
00b	4 μ s
01b	8 μ s
10b	16 μ s
11b	32 μ s

ヒータ過電流モニターは、**HEAT_VDS_MODE** レジスタ設定により設定された 4 つの異なるモードで応答し、回復することができます。

- **ラッチ フォルト モード:** 過電流イベントの検出後、ゲートドライバプルダウンはイネーブルになり、**HEAT_VDS** ビット、**EC_HEAT** ビットがアサートされます。ゲート フォルト イベントの解消後、**CLR_FLT** が発行されるまではフォルト状況はラッチされた状態のままです。
- **サイクルごとのモード:** 過電流イベントの検出後、ゲートドライバプルダウンはイネーブルになり、**HEAT_VDS**、**EC_HEAT**、**FAULT** ビットがアサートされます。レジスタ **IC_STAT1** の **EC_HEAT**、**FAULT** ステータスビットは、ドライバ制御入力に変化するまでアサートされたままです (SPI または PWM)。**HEAT_VDS** ビットをクリアするには、入力の変更後に **CLR_FLT** コマンドを送信する必要があります。入力を変更する前に **CLR_FLT** が発行された場合、すべてのステータスビットはすべてアサートされたままになり、ドライバ プルダウンはイネーブルのままです。
- **警告レポートのみモード:** 過電流イベントは、**WARN** と **HEAT_VDS** ビットで通知されます。デバイスは何も動作を行いません。**CLR_FLT** が発行されるまで、警告はラッチされたままです。
- **ディセーブル モード:** ヒータ V_{DS} 過電流監視はディセーブルとなり、応答や通知を行いません。

7.4.1.2.3 ヒータ MOSFET 開放負荷検出

オフ状態の開放負荷監視は、電流源でプルアップしたときの電圧差 **SH_HS** ノードを開放負荷スレッシュホールド電圧 V_{OL_HEAT} と比較することで行われます。**SH_HS** 電圧が開放負荷スレッシュホールド V_{OL_HEAT} をフィルタ時間 t_{OL_HEAT} より長い時間上回ると、開放負荷ビット **HEAT_OL** が設定されます。開放負荷モニタはビット **HEAT_OLP_EN** で制御されます。

注

ヒータの開放負荷診断は、ヒータ構成が無効化されており、ビット **HEAT_CNFG** が 00b である必要がある場合のみ機能します。

7.4.2 ハイサイド ドライバ

表 7-8. ハイサイド ドライバ セクションの目次

ハーフブリッジ セクション	セクションへのリンク
機能セクションのトップに戻る	セクション 7.4
ハイサイド ドライバ制御	セクション 7.4.2.1
ハイサイド ドライバレギュレーション	セクション 7.4.2.1.3
ハイサイド ドライバ保護	セクション 7.4.2.2

このデバイスは、6 つのハイサイド ドライバ(OUT7~OUT12)を統合しており、複数の負荷タイプを駆動するようにプログラムできます。各ハイサイド ドライバには、高電流および低電流の過電流保護と、開放負荷電流のスレッシュホールドを選択できます。OUT7 は、ランプ、電球、または LED を駆動するように構成できます。すべてのハイサイド ドライバには、高容量 LED モジュールを駆動するための固定時定電流モードもあります。

すべてのハイサイド ドライバには、開放負荷検出と短絡保護機能が搭載されています。低 $R_{DS(on)}$ モードと高 $R_{DS(on)}$ モードのどちらのモードでも、OUT7 は、ランプまたは電球負荷用のオプションの ITRIP レギュレーション機能を備えています。OUT8-OUT12 にはオプションの ITRIP レギュレーションもあり、それぞれの過電流スレッシュホールド (high または low) を超えた場合にアクティブになります。この機能は、より大きな LED モジュールや、OUT8-OUT12 を使用して他の負荷タイプを駆動するために使用できます。エレクトロクロミック ドライバが使用される場合、OUT11 は EC 素子用の保護されたバッテリー電圧を供給するために使用されます。

ハイサイド ドライバのブロック図を以下に示します。

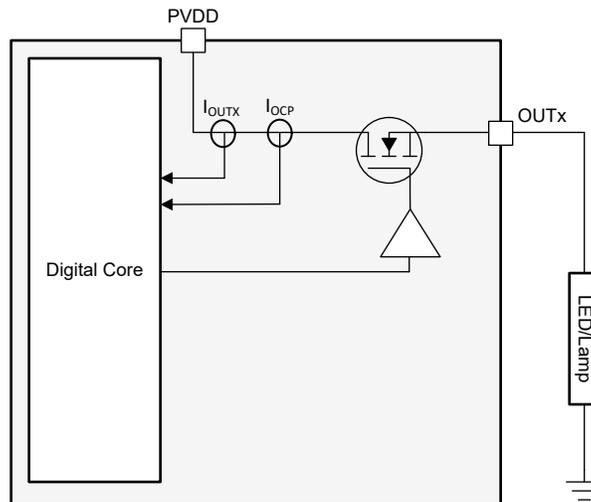


図 7-4. ハイサイド ドライバ ブロック図

以下の表に、すべてのデバイスのハイサイド ドライバと、それぞれに対応する機能セットを示します：

表 7-9. ハイサイド ドライバとその機能

ハイサイド ドライバ	$R_{DS(on)}$ (Ω)	OL 検出	過電流および短絡保護	ITRIP	CCM	EC 電源に使用
OUT7	0.4/1.2	あり	あり	あり	あり	なし
OUT8	1.2	あり	あり	あり	あり	なし
OUT9	1.2	あり	あり	あり	あり	なし
OUT10	1.2	あり	あり	あり	あり	なし
OUT11	1.2	あり	あり	あり	あり	あり
OUT12	1.2	あり	あり	あり	あり	なし

7.4.2.1 ハイサイド ドライバ制御

ハイサイドドライバは、SPI レジスタ、10 ビット PWM ジェネレータから内部で生成される PWM 信号、PWM1 ピンからの外部 PWM 信号による制御用に構成できます。この構成は、HS_HEAT_OUT_CNFG レジスタの OUTx_CNFG (OUT7-OUT12) ビットを設定することで行われます。

SPI レジスタ制御モード (OUTx_CNFG = 01b) では、ハイサイド出力は HS_EC_HEAT_CNFG 内の各出力の有効ビット (ON/OFF) に従います。

次の表に、ハイサイドドライバの構成オプションを要約します。

表 7-10. ハイサイド ドライバ構成

OUTx_CNFG ビット	構成	説明
00	OFF	ハイサイド ゲートドライバが無効
01	SPI レジスタの制御	ハイサイドドライバの SPI 制御が有効
10	PWM1 ピン制御	PWM1 ピン によるハイサイドドライバ制御
11	PWM ジェネレータ	専用内部 PWM ジェネレータを搭載したハイサイドドライバ制御

7.4.2.1.1 ハイサイド ドライバPWM ジェネレータ

各ハイサイドドライバには、10 ビットのデューティ サイクル分解能を持つ専用の PWM ジェネレータがあります。各 PWM ジェネレータの周波数とデューティは、互いに独立して制御できます。

ハイサイドドライバのデューティサイクルを設定する際、最大 1022 (99.8%) までの値を選択できます。

必要なレジスタ設定シーケンス:

1. レジスタ HS_PWM_FREQ_CNFG のハイサイドドライバ PWM 周波数値を設定します
2. デューティ サイクルをレジスタ OUTx_DC に設定します。設定値は 0 から 1022 (デューティサイクル 0%~99.8%) です
3. レジスタ HS_HEAT_OUT_CNFG でドライバの動作モードを設定します

PWM ジェネレータの周波数は、以下の表に示すように、レジスタ HS_PWM_FREQ_CNFG の PWM_OUTX_FREQ ビットで制御されます。

表 7-11. PWM 周波数

PWM_OUTX_FREQ	PWM 周波数 (Hz)
00b	108
01b	217
10b	289
11b	434

7.4.2.1.2 定電流モード

すべてのハイサイドドライバにはタイマー付き定電流モード (CCM) 機能があり、所望の出力に対して短時間の定電流を供給するために使用できます。このモードは、レジスタ HS_REG_CNFG2 内のビット OUTx_CCM_EN を使用してイネーブルされます。有効化されると、ハイサイドドライバからの電流は、設定された制限値に 10ms の短時間制限されます。

定電流モードには 2 つの電流制限オプションがあります。これは、レジスタ HS_REG_CNFG2 内のビット OUTx_CCM_EN で構成され、以下の表でまとめられています:

表 7-12. 定電流モードに関する複数のオプション :

ハイサイド出力	OUTx_CCM_TO	電流制限 (I _{CCM})	タイムアウト (t _{CCMto})
OUT7 (RDSON High)	0b	250mA	10ms
	1b	330mA	10ms

表 7-12. 定電流モードに関する複数のオプション：(続き)

ハイサイド出力	OUTX_CCM_TO	電流制限 (I _{CCM})	タイムアウト (t _{CCMto})
OUT7 (RDSON Low)	0b	360mA	10ms
	1b	450mA	10ms
OUT8-12	0b	350mA	10ms
	1b	450mA	10ms

この定電流モード機能は、構成された出力をイネーブルにする前に **OUTx_CCM_EN** ビットが構成されている場合、および出力がディセーブル状態の場合にのみイネーブルされます。CCM は、有効時間 **t_{CCMto}** が経過すると自動的に終了します。タイムアウト後も、ドライバはレジスタ **HS_EC_HEAT_CTRL** 内の **OUTx_EN** ビットに従って有効のまま保持され、**HS_HEAT_OUT_CNFG** レジスタ内の **OUTx_CNFG** ビット設定に基づいて構成されます。

必要なレジスタ設定シーケンス:

1. レジスタ **HS_REG_CNFG2** のハイサイドドライバ CCM モードを設定します
2. レジスタ **HS_HEAT_OUT_CNFG** のハイサイドドライバの動作を設定します

CCM モードが設定され、ドライバ構成が完了すると、レジスタ **HS_HEAT_OUT_CNFG** に対応する **OUTx_CNFG** ビットが設定されると、CCM タイマが開始されます。

CCM タイマが終了した後は、SPI 制御または外部 PWM ジェネレータ制御 (**OUTx_CNFG = 01b** または **10b**) のみがサポートされます。内部 PWM ジェネレータ制御は CCM モードをサポートしていません。

ハイサイドドライバを構成した後に定電流モードを構成した場合、CCM モードは起動しません。

OUTx_CCM_EN ビットの場合:

- 定電流モードのタイムアウト前にコントローラによって **OUTx_CCM_EN** がクリアされた場合、ドライバはこのコマンドに従い、**OUTx_CNFG** ビットに対応するモードに切り替えます
- ドライバがすでにイネーブルになってから **OUTx_CCM_EN** がセットされると、**OUTx_CCM_EN** ビットは無視されます。この場合、**OUTx_CCM_EN** はオフのままです。

短絡および過電流検出は、ドライバがオンで PWM 駆動されているが定電流モードではない場合、アクティブ/イネーブルになります。開放負荷検出は常に機能しています。

7.4.2.1.3 OUTx HS ITRIP 動作

すべてのハイサイドドライバには、HS ITRIP と呼ばれる固定周波数の電流制御機能が利用できます。この機能は、特定の負荷を駆動中に過電流状態が発生した場合、ドライバを再起動します。過電流検出は、検出された負荷電流に基づいています。この機能は、ドライバの過電流しきい値を超える大きな突入電流を伴う負荷、例えばランプ、電球、大型 LED モジュールなどを駆動するために使用されます。

ハイサイド ドライバは、OUT7 には **HS_REG_CNFG1** レジスタ内の **OUT7_ITRIP_EN** を、OUT8～12 には **HS_REG_CNFG3** レジスタ内の **HS_OUTx_ITRIP_EN** を設定することで、ITRIP 制御を有効に構成できます。デフォルトでは、ITRIP レギュレーションは、すべてのハイサイドドライバに対して無効になっています。ITRIP レギュレーションがディセーブルされていて、ブランク時間後にドライバ電流がグリッチ除去時間の間過電流スレッショルド (**I_{OCx}**) を超えると、出力は無効になります。

ITRIP レギュレーション有効:

ITRIP レギュレーションがイネーブルになった場合、ブランク時間後にドライバ電流がグリッチ除去時間の間、過電流スレッショルド **I_{OCx}** を超えると、出力はオフになります。ITRIP サイクルが終了すると、自動的に再度オンになります。過電流スレッショルド (high または low) は、**HS_OC_CNFG** レジスタの OUT7 の **OUT7_RDSON_MODE** ビットを、OUT8～12 ビットの **OUTx_OC_TH** ビットをセットすることで構成されます。

ITRIP レギュレーションのブランク時間は、すべてのハイサイドドライバ出力の 40μs です。OUTx がイネーブルになると、ブランク時間が開始します。OUT7 には専用の ITRIP 周波数およびグリッチ除去時間の設定があり、**HS_REG_CNFG1**

レジスタ内の **OUT7_ITRIP_FREQ** ビットおよび **OUT7_ITRIP_DG** ビットで構成できます。OUT8~12 については、ITRIP 周波数およびグリッチ除去時間の設定は共通であり、**HS_REG_CNFG3** レジスタ内の **HS_OUT_ITRIP_FREQ** ビットおよび **HS_OUT_ITRIP_DG** ビットで構成できます。 $V_{PVDD} < 20V$ の場合、すべてのグリッチ除去オプション (24、32、40、48 μ s) が使用可能です。 $V_{PVDD} > 20V$ の場合、グリッチ除去時間は自動的に 10 μ s に短縮されます。

ITRIP 制御が有効で、過電流が検出されると、OUT7 ドライバの場合は **EC_HEAT_ITRIP_STAT** レジスタ内の **OUT7_ITRIP_STAT** ビットが、OUT8~12 ドライバの場合は **HS_ITRIP_STAT** レジスタ内の **OUTx_ITRIP_STAT** ビットがセットされ、ラッチされます。この故障ビットは、**CLR_FLT** ビットがセットされるまでセットされたままです。

表 7-13. ハイサイド ITRIP 周波数オプション概要

周波数(f_{ITRIP_HS})	HS_OUT_ITRIP_FREQ/OUT7_ITRIP_FREQ
1.7kHz	00b
2.2kHz	01b
3kHz	10b
4.4kHz	11b

表 7-14. ハイサイド ITRIP グリッチ除去オプション概要

グリッチ除去時間($t_{ITRIP_HS_DG}$)	HS_OUT_ITRIP_DG/OUT7_ITRIP_DG
48 μ s	00b
40 μ s	01b
32 μ s	10b
24 μ s	11b

ITRIP グリッチ除去タイマは、OUTx ITRIP ブランキング時間が経過すると開始します。最小 OUTx ITRIP オン時間は、ブランキング時間とグリッチ除去時間の合計であり、合計期間は OUTx の ITRIP 周波数によって決定されます。下の図は ITRIP の動作を示しています。

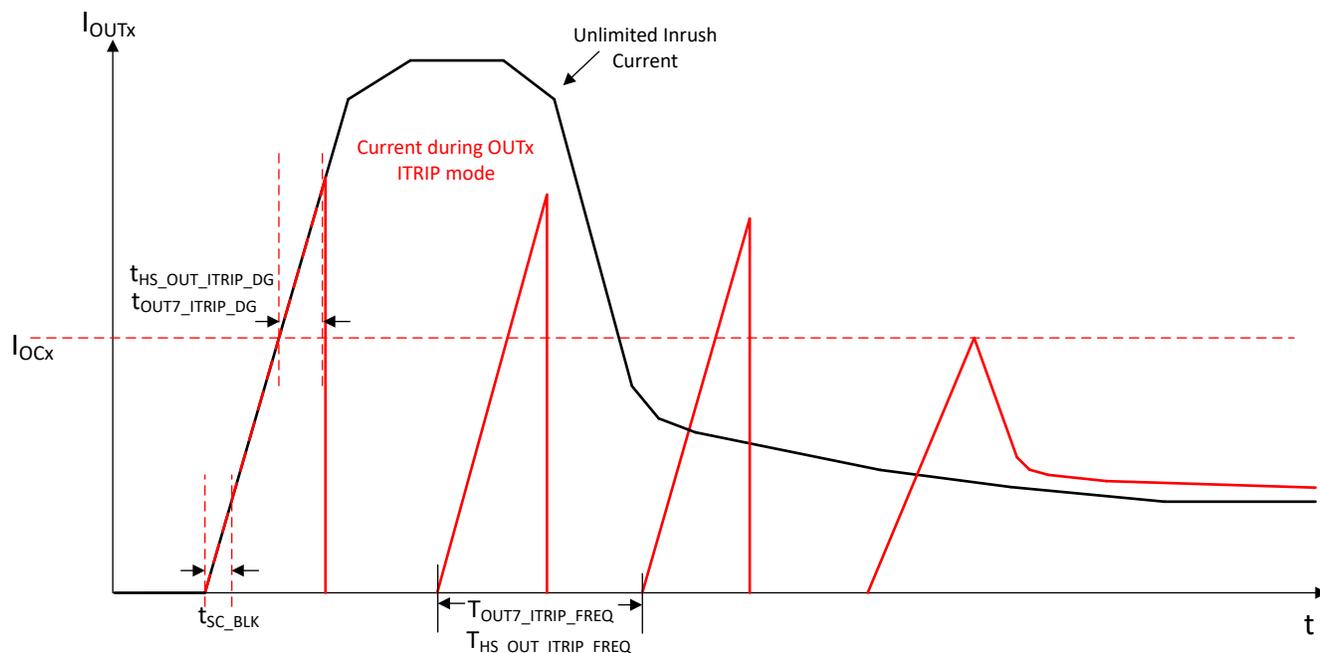


図 7-5. 白熱電球を使用した OUTx HS の ITRIP 動作

ブランキング時間 t_{SC_BLK} は 40 μ s であり、その後には過電流状態を検出できます。 $t_{OUT7_ITRIP_DG}$ または $t_{HS_OUT_ITRIP_DG}$ は、過電流保護スレッショルドを超えた後も OUTx がオンのまま維持される時間です。

$T_{OUT7_ITRIP_FREQ}$ または $T_{HS_OUT_ITRIP_FREQ}$ は ITRIP ループの周期であり、 $t_{OUT7_ITRIP_FREQ}$ または $t_{HS_OUT_ITRIP_FREQ}$ の逆数に相当します。OUT7-12 の ITRIP 故障は、ビット **OUT7_ITRIP_STAT** および **OUTx_ITRIP_STAT** で通知されます。

7.4.2.1.4 ハイサイド – パラレル出力

ハイサイドドライバ OUT8 から OUT12 までを並列に接続することで、さらに大きな電流負荷をサポートできます。たとえば、OUT8 と OUT9 を効果的に 600mΩ ドライバとして並列に接続するか、OUT9、OUT10、OUT12 を実質的に 400mΩ ドライバとして並列に接続できます。

ただし、この動作モードには以下の制限があります。

- 並列ハイサイドドライバでは内部 PWM 制御は機能しないため、この動作モードには設定しないでください。
- 定電流モードは不可能であり、無効にする必要があります。
- ITRIP レギュレーションはサポートされていません。
- 過電流保護、短絡保護回路、アクティブ開放負荷検出をサポートしています。

並列動作する場合は、ハイサイドドライバをオン/オフ SPI レジスタ制御用に構成するか、ピンによる外部 PWM 信号制御用に構成する必要があります。

7.4.2.2 ハイサイド ドライバ保護回路

7.4.2.2.1 ハイサイド ドライバの内部ダイオード

各ハイサイドドライバには、ESD 保護用に、グラウンドからハイサイド OUTx ノードまでの内部ダイオードが搭載されています。次のいずれかが発生すると、このダイオードは大きなエネルギー消費にさらされる可能性があります。

- ハイサイド出力で、グラウンド接続が喪失し、グラウンドへの短絡が両方とも発生します。
- ハイサイド出力には誘導性負荷が接続されています

フリーホイール中に内部 ESD ダイオードによって消費されるのは、限られた量のエネルギー (1mJ 未満) のみです。100μH を超える誘導性負荷の場合、PGND と対応する出力との間に外部フリーホイール ダイオードに接続する必要があります

7.4.2.2.2 ハイサイド ドライバの短絡保護回路

短絡保護回路は、OUTx ノードの 2V コンパレータを使用して、各ハイサイド出力 (OUT7 ~ 12) を監視します。ブランク時間後に OUTx 電圧がグリッチ除去時間内で 2V の短絡スレッショルドを超えた場合、グラウンド短絡故障が検出され、出力は無効化されます。

2V のコンパレータ ブランク時間 (t_{SC_BLK}) は、すべてのハイサイドドライバ出力の 40μs です。OUTx がイネーブルになると、ブランク時間が開始します。OUT7 には専用のグリッチ除去時間設定があり、**HS_REG_CNFG1** レジスタの **OUT7_ITRIP_DG** ビットで構成可能です。OUT8~12 のグリッチ除去時間の設定は共有され、**HS_REG_CNFG3** レジスタ内の **HS_OUT_ITRIP_DG** ビットで構成できます。 $V_{PVDD} < 20V$ の場合、すべてのグリッチ除去オプション (24、32、40、48μs) が使用可能です。 $V_{PVDD} > 20V$ の場合、グリッチ除去時間は自動的に 10μs に短縮されます。

短絡検出時に、**HS_STAT** レジスタの対応する **OUTx_OCP** 故障ステータス ビットがラッチされ、対応する出力がシャットオフされます。この故障ビットは、**CLR_FLT** ビットがセットされるまでセットされたままです。次の図に、ハイサイドドライバの短絡動作を示します:

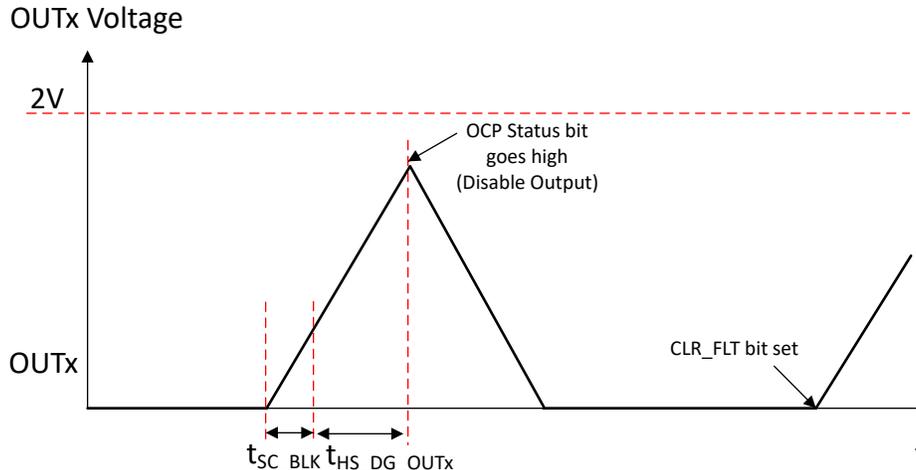


図 7-6. ハイサイド ドライバ短絡保護回路

7.4.2.2.3 ハイサイド ドライバの過電流保護

過電流保護機能は、ITRIP レギュレーションが無効の場合に利用できます。すべてのドライバ (OUT7-OUT12) の出力電流が監視され、ブランク時間の後にグリッチ除去時間の経過後に電流が過電流スレッシュホールドを超えると、出力が無効になります。

OUT7 の ITRIP を無効にするには、`HS_REG_CNFG1` レジスタ内で `OUT7_ITRIP_EN = 0b` に設定します。同様に、OUT8 ~ 12 の無効にするには、`HS_REG_CNFG3` レジスタ内で `HS_OUTx_ITRIP_EN = 0b` に設定します。過電流スレッシュホールド (high または low) は、`HS_OC_CNFG` レジスタの OUT7 の `OUT7_RDSON_MODE` ビットを、OUT8 ~ 12 ビットに対して `OUTx_OC_TH` ビットを設定することで構成されます。

過電流保護のブランク時間は、すべてのハイサイドドライバ出力の 40 μ s です。OUTx がイネーブルになると、ブランク時間が開始します。OUT7 には専用のグリッチ除去時間設定があり、`HS_REG_CNFG1` レジスタの `OUT7_ITRIP_DG` ビットで構成可能です。OUT8 ~ 12 のグリッチ除去時間の設定は共有され、`HS_REG_CNFG3` レジスタ内の `HS_OUT_ITRIP_DG` ビットで構成できます。V_{PVDD} < 20V の場合、すべてのグリッチ除去オプション (24、32、40、48 μ s) が使用可能です。V_{PVDD} > 20V の場合、グリッチ除去時間は自動的に 10 μ s に短縮されます。過電流検出が検出されると、OUT7 ドライバの `EC_HEAT_ITRIP_STAT` レジスタの `OUT7_ITRIP_STAT` ビット、または OUT8-12 ドライバの `HS_ITRIP_STAT` レジスタの `OUTx_ITRIP_STAT` ビットがラッチされ、対応する出力が遮断されます。この故障ビットは、`CLR_FLT` ビットがセットされるまでセットされたままです。

7.4.2.2.4 ハイサイド ドライバの開放負荷検出

ハイサイドドライバは、開放負荷検出機能を備えています。DRV800x-Q1 のハーフブリッジドライバ OLA 検出方式と同様に、ハイサイドドライバの開放負荷検出方式では、各ドライバを順番にチェックし、負荷電流が開放負荷電流スレッシュホールド以下であるかどうかを確認します。開放負荷電流スレッシュホールド I_{OLDx} は、OUT8-12 のレジスタ `HS_OL_CNFG` のビット `OUTx_OLA_TH` を使って、高電流スレッシュホールドと低電流スレッシュホールドの間で設定できます。これらのスレッシュホールドは、`OUT7_RDSON_MODE` に基づいて、ハイサイドドライバ OUT7 に対してのみ自動的に調整されます。

開放負荷検出は、OUT7-12 ハイサイドドライバに対してレジスタ `HS_OL_CNFG` のビット `OUTx_OLA_EN` をイネーブルにする必要があります。

負荷電流 I_{OUTx} が $t > t_{OLD_HS}$ の間、開放負荷スレッシュホールド (I_{OLD_HS}) を下回ると、対応するハイサイド開放負荷ステータスビット `OUTx_OLA` がステータスレジスタに設定されます。開放負荷で検出されたドライバはオフになりません。

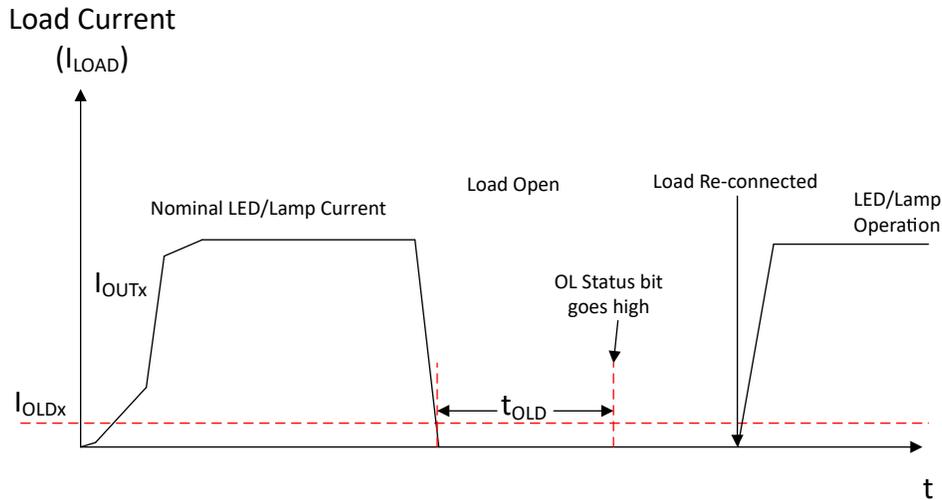


図 7-7. ハイサイド ドライバの開放負荷検出

各ハイサイドドライバの開放負荷検出テスト時間は $200\mu\text{s}$ です。出力がイネーブルになるまで、タイマは起動しません。イネーブルになっているすべてのドライバがサイクルされると、検出サイクルが再開されます。OUTx に対して OLA ビットのフラグが設定されると、ステータスはラッチされ、OUTx は検出サイクルから除外されます。OUTx の OLA チェックを再開するには、CLR_FLT が必要です。

OLA 検出を完了するには、下限側ドライバを最小 $200\mu\text{s}$ でオンにする必要があります。それ以外の場合、本デバイスは次の PWM サイクルまで待機します。OLA 検出用の OFF カウンタは、ハイサイドドライバがオフになると開始し、ドライバが 10ms を超えてオフになった場合に OLA 検出を終了します。

EC ドライバをイネーブルにする場合: `EC_ON` ビットと `EC_V_TAR` ビットをレジスタ `HS_EC_HEAT_CTRL` 内で目的の目標電圧に設定し、EC ドライバの制御ループをイネーブルします。これらのビットを設定すると、EC ドライバの制御ループがイネーブルになります。

EC 素子の電圧制御: EC ドライバがイネーブルになると、ドライバの帰還ループがアクティブになり、`ECFB` ピンの電圧はレジスタ `HS_EC_HEAT_CTRL` のビット `EC_V_TAR` で設定された目標電圧にレギュレートされます。`ECFB` ピンの目標電圧は、レジスタ `EC_CNFG` の `ECFB_MAX` ビットがそれぞれ 1 または 0 に設定されているかどうかに応じて、1.5V または 1.2V のフルスケール範囲でバイナリコード化されます。`ECFB_MAX = 0b` はデフォルト値 (1.2V) です。

EC 電圧の新しい値が設定されるたびに、制御ループが新しい目標値へのレギュレーションを開始すると、`ECFB_HI` の 250 μ s のブランキング時間 `tBLK_ECFB` または `ECFB` の `ECFB_LO` ステータス表示が行われます。

このデバイスには、高速放電と PWM 放電の 2 つの放電モードがあります。

EC 素子の高速放電: 高速放電 `ECFB_LS_PWM` を使用して EC 素子を完全に放電するには、0b に設定する必要があります。`EC_CNFG` の目標出力電圧 `EC_V_TAR` も 0b に設定し、`ECFB_LS_EN` ビットと `EC_ON` ビットを 1b に設定する必要があります。これら 4 つの条件が満たされると、`ECFB` ピンの内部 1.2 Ω ローサイド MOSFET がグラウンドにプルダウンされ、ピン `ECFB` の電圧が放電されます。

1. レジスタ `EC_CNFG` で `ECFB_LS_PWM = 0b` に設定します
2. `ECFB_LS_EN = 1b`、`EC_ON = 1b`、`EC_V_TAR = 0b` をレジスタ `HS_EC_HEAT_CTRL` 内で設定します。
3. `ECFB LS MOSFET` がイネーブルになり、EC ミラーの高速放電を実行します。

EC 素子の PWM 放電: エレクトロクロムドライバの PWM 放電サイクルの概要を以下に示します。

1. レジスタ `EC_CNFG` で `ECFB_LS_PWM = 1b` に設定します
2. レジスタ `HS_EC_HEAT_CTRL` 内のビット `ECFB_LS_EN = 1b`、`EC_ON = 1b` を設定します。
3. 制御ループが $V_{\text{ECDRV}} < V_{\text{ECFB}}$ かつ $V_{\text{ECDRV}} < 400\text{mV}$ の状態が `tRECHARGE` または 3ms を超えて続くと、`ECDRV` レギュレータはオフになり、`ECFB` 上の LS MOSFET が約 300ms (`tDISCHARGE`) の間アクティブ化されます。この放電中は、`ECDRV` 出力が Low になり、貫通電流が防止されます。
4. 放電パルス `tDISCHARGE` の終わりに、放電 MOSFET のスイッチがオフになり、新しい低い値でレギュレーションループが再度アクティブになります。制御ループはステップ 2 に戻り、再び制御外の状態 ($V_{\text{ECDRV}} < 400\text{mV}$ または $V_{\text{ECDRV}} < V_{\text{ECFB}}$) が確認されます。レギュレーション範囲外の条件が満たされない場合、ループは通常動作状態に戻ります。

次の図は、エレクトロクロムドライバの PWM 放電サイクルを示しています。

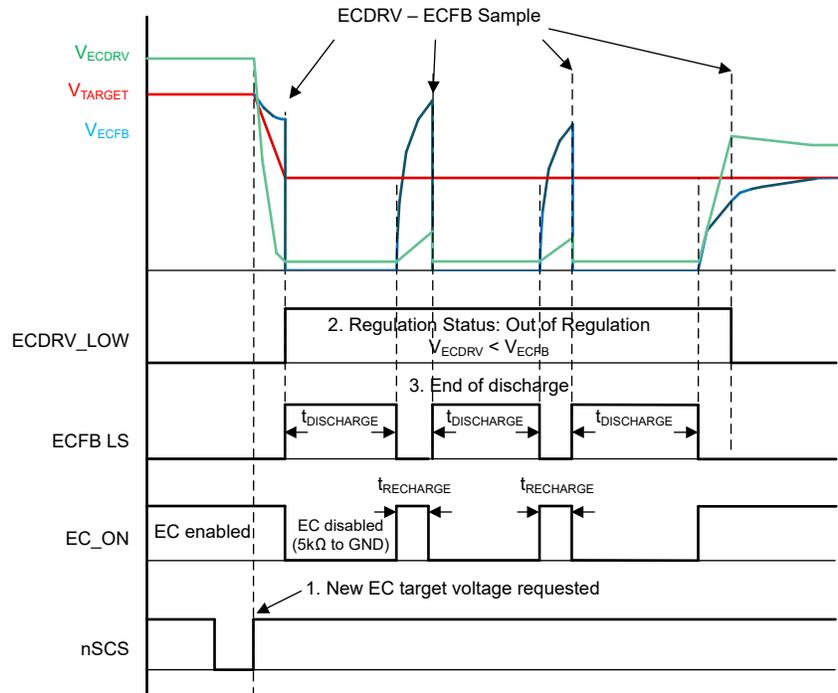


図 7-10. PWM によるエレクトロクロム放電

電圧制御ループのステータスは SPI 経由で通知されるため、EC の充電／放電制御タイミングを判断するには、このレポートを参照することが TI により推奨されています。ECFB ピンの電圧が目標値より 120mV を超えて高い場合、ビット **ECFB_HI** が設定されます。ECFB ピンの電圧が目標値より 120mV 低い場合、**ECFB_LO** が設定されます。ビット t_{FT_ECFB} 以上のフィルタ時間にわたって安定している場合、ECFB ステータス ビット **ECFB_HI** と **ECFB_LO** の両方が有効になります。これらのビットはラッチされず、グローバル フォルトとして指定されません。

終了放電モード: 放電モードを終了するには、**EC_V_TAR** をゼロ以外の値に設定します。新しい目標電圧がプログラムされる際に、**ECFB_LS_EN** ビットを変更する必要はありません。制御ループ内部ロジックにより、**OUT11** と **ECFB LS** の両方が同時にオンになることが防止されます。

ピン **ECDRV** に 4.7nF 以上のコンデンサを追加し、**ECFB** とグラウンドとの間に 220nF のコンデンサを追加して、制御ループの安定性を高める必要があります。ノイズ耐性を高めるために、ループコンデンサはそれぞれのピンのできるだけ近くに配置することを TI は推奨しています。

EC ドライバを使用しない場合は、**ECFB** ピンをグラウンドに接続できます。

7.4.3.2 エレクトロクロミック ドライバ保護

エレクトロクロミック ドライバ ブロックには、充電および放電状態の両方に対応する複数の保護および検出回路が搭載されています。コンパレータ ベースの検出回路、**EC** 充電状態 (**OUT11** を電源として構成した場合) でアクティブになる **OUT11** の保護回路、**ECFB** 低側ディスチャージ MOSFET の保護回路があります。

OUT11 から供給される EC: エレクトロクロム駆動が統合されたハイサイド ドライバ **OUT11** から供給されるように構成されている場合、他のハイサイド ドライバと同様の保護および診断機能が利用できます (例えば、過電流検出時には制御ループがオフになります)。これらのハイサイド ドライバ保護は、エレクトロクロムが充電状態のとき (電圧上昇時) にアクティブになります。**OUT11 EC** モード (**OUT11_EC_MODE** = 1b) の場合、**OUT11** を PWM モードで制御できず、**EC_CNFG** は診断の構成に使用されます。**EC_OUT11_OCP_DG** の場合、 $V_{PVDD} < 20V$ のとき、グリッチ除去オプション (6 μ s、10 μ s、15 μ s、60 μ s) が使用可能です。 $V_{PVDD} > 20V$ の場合、グリッチ除去時間は自動的に 10 μ s に短縮されます。

EC 充電中の OUT11 での故障: **EC_ON = 1b** (EC 制御イネーブル) のときに過熱シャットダウン故障 (ゾーン 3 または 4) または OUT11 の過電流故障が発生した場合:

- OUT11 がシャットオフされます (ステータス レジスタ セット)
- ECDRV ピンはグランドにプルされます
- **EC_ON** は「1」のまま
- **ECFB_LS_EN** はプログラムされたままになります

OUT11 の障害が発生した後に EC 制御を再開するには、コントローラが対応するフォルトを読み取り、クリアする必要があります。再起動が発生すると、ドライバは以前の **EC_V_TAR** 値に戻ります。

EC 充電中に OUT11 で開放負荷が検出されると、レジスタ **HS_STAT** の **OUT11_OLA** ビットがセットされます。

放電過電流保護 LS FET: ローサイド FET (LSFET) による ECFB の放電中、ECFB ピンの負荷電流が過電流スレッシュホールド (I_{OC_ECFB}) を超えると、過電流故障が検出されます。過電流故障応答はレジスタ **EC_CNFG** の **EC_FLT_MODE** ビットで設定できます。

EC_FLT_MODE = 0b:

EC LSFET を流れる電流がグリッチ除去時間の後に OCP スレッシュホールド (I_{OC_ECFB}) を超えると、LSFET はディスエーブルになります。EC LSFET のグリッチ除去時間は V_{PVDD} に依存します。 $V_{PVDD} < 20V$ の場合、グリッチ除去時間は 40 μ s です。 $V_{PVDD} > 20V$ の場合、グリッチ除去時間は自動的に 15 μ s に短縮されます。

EC_FLT_MODE = 1b:

ブランク時間の後に EC LSFET を流れる電流がグリッチ除去時間の間 OCP スレッシュホールド (I_{OC_ECFB}) を超えると、ドライバは HS ドライバ OUT7-12 の ITRIP レギュレーションと同様に過電流回復モード (OCR) に移行します。グリッチ除去時間と ITRIP 周波数は、OUT7 の ITRIP 設定から取得されます。

ECFB_OV ビットが ECFB から V_{PVDD} への短絡のため High になると、**ECFB_OV_MODE** に関わらずドライバがシャットオフされます。**ECFB_OV** のグリッチ除去時間は、**ECFB_OV_DG** 構成設定に関係なく 20 μ s です。

表 7-16. 放電過電流保護

EC_FLT_MODE	フォルト応答
0b	ラッチ (Hi-Z)
1b	過電流復帰 (OUT7 ITRIP 設定)

開放負荷検出あり: EC の放電中は、開放負荷も検出できます。レジスタ **EC_CNFG** の **EC_OLEN** ビットをセットする必要があります。ECFB の負荷電流が $t_{DG_OL_ECFB_LS}$ より長い間 $I_{OL_ECFB_LS}$ を下回ると、開放負荷ステータスビット **ECFB_OL** がセットされ、レジスタ **IC_STAT1** の **WARN** ビットがセットされます。

バッテリー OV 検出までの時間:

EC_ON = 1 の時に、ECFB 電圧が $V_{ECFB_OV_TH}$ を超え、その状態がグリッチ除去時間 $t_{ECFB_OV_DG}$ を超えて続くと、ECFB の過電圧またはバッテリー短絡が検出されます。ビット **ECFB_OV_MODE** は、ドライバ ECFB 過電圧フォルト応答を決定します。EC 過電圧グリッチ除去時間は、レジスタ **EC_CNFG** のビット **ECFB_OV_DG** で設定されます。

過電圧フォルト応答制御の場合、ビット **ECFB_OV_MODE** をレジスタ **EC_CNFG** で設定できます。**ECFB_OV_MODE = 00b** の場合、このフォルト中はどの動作も行われません。**ECFB_OV_MODE = 01b** の場合、ECFB 電圧がプログラムされたデグリッチ時間 $t_{ECFB_OV_DG}$ より長い時間 3V を超えると、**EC_HEAT_ITRIP_STAT** レジスタ内の **ECFB_OV** ビットがセットされ、**IC_STAT1** レジスタ内の **EC_HEAT** 故障ビットがセットされます。**ECFB_OV_MODE = 10b** の場合、ECFB の OV が発生すると、ECDRV ピンがプルダウンされ、ECFB LS FET は Hi-Z です。**ECFB_OV_MODE = 01b** の場合と同じレジスタでフォルトが通知されます。

フォルト応答とビット値を以下の表にまとめます。

表 7-17. エレクトロクロム 過電圧障害応答

ECFB_OV_MODE	フォルト応答
00b	動作なし
01b	レジスタで故障を通知
10b	プルダウン ECDRV および ECFB LS FET、レジスタの故障を通知
11b	動作なし

表 7-18. EC 過電圧グリッチ除去時間

ECFB_OV_DG	グリッチ除去時間
00b	20μs
01b	50μs
10b	100μs
11b	200μs

短絡または開放負荷の検出: EC 診断は、短絡または開放負荷を通知するように構成できます。このモードは、[EC_CNFG](#) レジスタの [ECFB_DIAG](#) ビットをセットすることで選択され、[EC_ON](#) ビットが 0b である必要があります。

注

PVDD を備えた EC 電源では、短絡および開放負荷の検出が利用できます。外部 FET が損傷しないようにするため、開路検出の実行前に短絡テストに合格する必要があります。

表 7-19. ECFB 診断検出オプション

ECFB_DIAG	検出設定
00b	無効
01b	短絡
10b	開放回路

短絡の検出: 短絡の検出は、ECFB と GND の間に低インピーダンス状態を検出できます。ビット **ECFB_SC_RSEL** は、 $0.5\Omega \sim 3\Omega$ の短絡が検出されるインピーダンスを選択します。電圧 $V_{ECFB_SC_TH}$ は $I_{ECFB_SC} * ECFB_SC_RSEL$ と比較されます。EC アンプがオフ、**ECFB_DIAG** = 01b、**EC_ON** = 0b のとき、以下の短絡検出が実行されます:

- I_{ECFB_SC} 電流を ECFB ピンに供給し、最初の 3ms ブランキング時間を待機します
- 短絡検出を有効にした後で ECFB 電圧が $I_{ECFB_SC} * ECFB_SC_RSEL$ よりも低い場合、**ECFB_DIAG_STAT** = 1b を設定することで、レジスタ A の短絡 (ECFB_SC) を登録します。
- 短絡検出がアクティブである限り、 I_{ECFB_SC} は ECFB ピンを通過し続けます。

表 7-20. ECFB 診断検出オプション

ECFB_SC_RSEL	インピーダンス スレッシュホールド
00b	0.5 Ω
01b	1.0 Ω
10b	2.0 Ω
11b	3.0 Ω

開放負荷検出: パッシブ開放負荷検出は、**ECFB_DIAG** = 10b、**EC_ON** = 0b のとき、EC アンプがオフになります。出力インピーダンスが $4k\Omega$ より高いときに開放負荷が検出されると、 $I_{ECFB_OLP} * 4k\Omega$ の ECFB 電圧スレッシュホールド $V_{ECFB_OLP_TH}$ が生成されます。開放負荷検出の手順は次のとおりです:

- I_{ECFB_OLP} 電流を ECFB ピンに流し、最初の 3ms のブランキング時間を待機します
- 検出された ECFB 電圧が $V_{ECFB_OLP_TH}$ より大きい場合、**ECFB_DIAG_STAT** = 1b を設定することで、開放負荷条件 (ECFB_OLP) を登録します。
- 開放負荷検出がアクティブである限り、 I_{ECFB_OLP} は ECFB ピンを通過し続けます。

7.4.4 ハーフブリッジドライバ

表 7-21. ハーフブリッジセクションの目次

ハーフブリッジ セクション	セクションへのリンク
機能セクションのトップに戻る	セクション 7.4
ハーフブリッジ制御	セクション 7.4.4.1
ハーフブリッジレギュレーション	セクション 7.4.4.4
ハーフブリッジ保護	ハーフブリッジの保護と診断

このデバイスは、合計 6 つのハーフブリッジ ハイサイドおよびローサイド FET を統合し、最大 5 つのモータの双方向駆動をサポートします。1.54Ω ハーフブリッジ 2 つ、440mΩ ハーフブリッジ 2 つ、185mΩ ハーフブリッジ 1 つ、155mΩ ハーフブリッジ 1 つで構成されています。これらのドライバはすべて、SPI レジスタ、PWM1 ピンまたは PWM2 ピンから供給される PWM 信号で制御できます。各ドライバには、ITRIP と呼ばれる構成可能な電流レギュレーション機能もあります。ハーフブリッジ保護回路には、過電流保護、オフ状態、アクティブの開路診断が含まれます。

下の図は、最大 5 つのミラーおよびロック モーター、およびすべてのミラー モータをサポートする統合ハーフブリッジの一般的な構成を示しています。

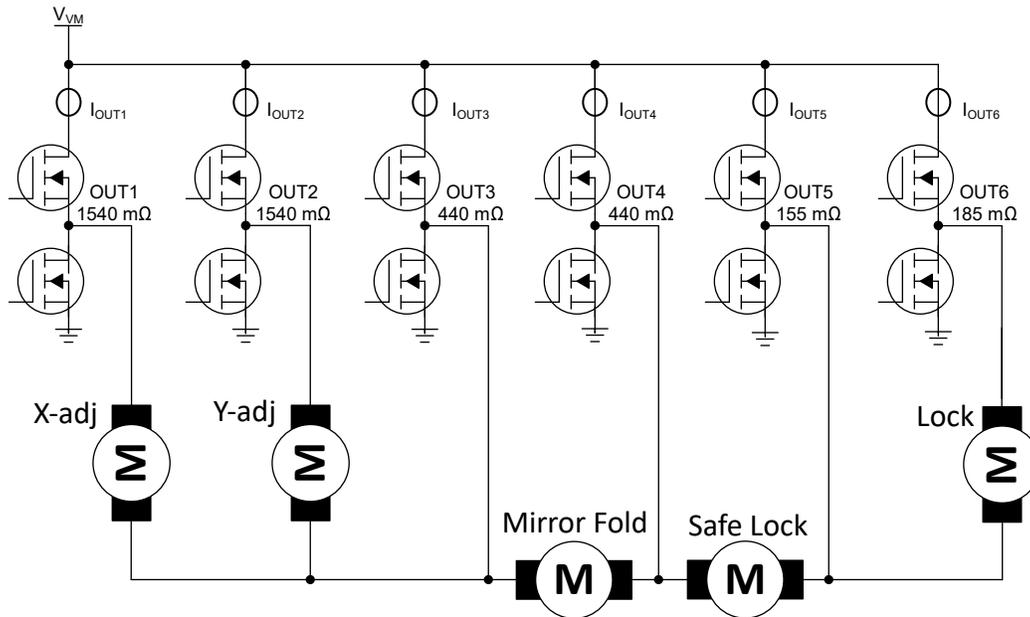


図 7-11. 最大 5 つのモータ（ミラーおよびロック）のハーフブリッジ構成

次の図は、ミラーリングのみの負荷の構成を示しています。

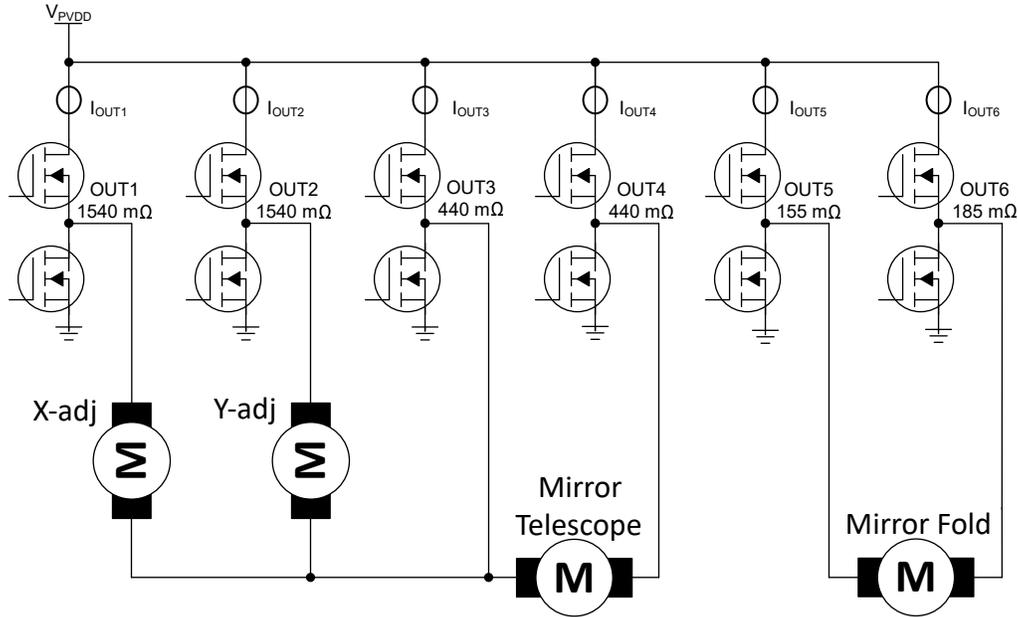


図 7-12. 最大 4 つのモータのハーフブリッジ構成 (ミラーのみ)

7.4.4.1 ハーフブリッジ制御

ハーフブリッジドライバは 2 つのモードで制御することにより、PWM 入力ピンまたは SPI レジスタでの制御方式をサポートします。ハーフブリッジドライバには、ハーフブリッジ制御をイネーブルにし、制御モード (PWM または SPI) を設定するための構成レジスタ (HB_OUT_CNFG1 および HB_OUT_CNFG2) もあります。

ハーフブリッジは、PWM1 ピンと PWM2 ピンのいずれかの入力信号で制御するように構成できます。PWM1 ピンへの信号は、ハーフブリッジ、ハイサイドドライバ、ヒータドライバに内部で多重化できます。PWM2 ピンによる PWM2 制御は、ハーフブリッジにのみ使用できます。各ハーフブリッジドライバのスルーレートは HB_SR_CNFG で設定できます。

構成表を以下に示します。OUT5 と OUT6 は HB_OUT_CNFG1 で構成され、OUT4 経由で OUT1 は HB_OUT_CNFG2 で構成されていることに注意します。

表 7-22. OUTX_CNFG ハーフブリッジ構成

OUTX_CNFG[2]	OUTX_CNFG[1]	OUTX_CNFG[0]	OUTx	HS オン	LS オン
0	0	0	OFF	OFF	OFF
0	0	1	SPI レジスタの制御	OUTX_CTRL	OUTX_CTRL
0	1	0	PWM 1 相補制御	約 PWM1	PWM1
0	1	1	PWM 1 LS 制御	OFF	PWM1
1	0	0	PWM 1 HS 制御	PWM1	OFF
1	0	1	PWM 2 相補制御	~PWM2	PWM2
1	1	0	PWM 2 LS 制御	OFF	PWM2
1	1	1	PWM 2 HS 制御	PWM2	OFF

ハーフブリッジを SPI レジスタ制御用に構成した場合 (OUTx_CNFG = 01b)、ビット OUTx_CTRL を持つレジスタ HB_CTRL で、ハーフブリッジのハイサイドおよびローサイド MOSFET を個別に制御できます。以下に、独立ハーフブリッジモードの真理値表を示します。

表 7-23. ハーフブリッジドライバコントローラ

OUTx_CTRL (OUT1-6) ビット	構成	説明
00	OFF	ハーフブリッジ制御 OFF

表 7-23. ハーフブリッジドライバコントローラ (続き)

OUTx_CTRL (OUT1-6) ビット	構成	説明
01	HS オン	ハイサイド MOSFET ON
10	LS オン	ローサイド MOSFET ON
11	RSVD	予約済み。

ハーフブリッジ制御モードは、SPI 通信が利用可能なときに、そのビットに書き込むことで、いつでも変更できます。この変更はすぐに反映されます。

ハーフブリッジが PWM 動作に構成されている場合 (OUTx_CNFG = 01xb、10xb または 11xb)、入力は 100% 駆動モードまたは PWM 駆動モードの静的またはパルス幅変調 (PWM) 電圧信号を受け付けます。

本デバイスは、ハーフブリッジ切り替え時におけるハイサイド FET とローサイド FET の切り替え時に必要なデッドタイムを自動的に生成します。このタイミングは、内部での FET ゲートとソース間電圧フィードバックに基づきます。外部タイミングは必要ありません。この方式では、シュートスルー電流を防止しながら、デッドタイムを最小限に抑えます。

7.4.4.2 OUT1 および OUT2 ハイサイド ドライバ モード

OUT1 および OUT2 のハーフブリッジは、HB_OUT_CNFG2 レジスタの OUT1_MODE ビットと OUT2_MODE ビットを設定することで、ハイサイドドライバとして構成できます。OUTx_MODE が 1b に設定されている場合、対応する出力はハイサイドモードで動作します。

ハイサイドドライバ構成では、OUT1 と OUT2 出力は、内部 PWM ジェネレータによってのみ制御されます。この制御は、OUT1_CNFG と OUT2_CNFG を xx1b に設定することで有効化されます。これらのビットを xx0b に設定すると、出力 OUT1 および OUT2 はディスエーブルになります。

ハイサイドモードに設定された場合、OUT1 および OUT2 の PWM 周波数は、HB_ITRIP_FREQ レジスタ内の PWM_OUT1_FREQ ビットおよび PWM_OUT2_FREQ ビットを使用して設定できます。ビット OUT1_DC および OUT2_DC は、内部 PWM ジェネレータからのデューティサイクル制御を 1022 (99.8% デューティサイクル) の値まで設定します。

表 7-24. ハイサイド ドライバ モードでの OUT1 または OUT2 PWM 周波数

PWM_OUTx_FREQ	PWM 周波数 (Hz)
00b	108
01b	217
10b	289
11b	434

ハーフブリッジモードと同じ保護機能および診断機能が、ハイサイドモードの OUT1 および OUT2 に適用されます。

7.4.4.3 ハーフブリッジレジスタコントロール

ハーフブリッジはデフォルトで無効化されていますが、SPI レジスタ制御モードで動作するように設定すると、HB_CTRL レジスタ内の OUTx_CTRL ビットにあるハイサイド (HS_ON) およびローサイド (LS_ON) の個別のイネーブルビットを構成することで、任意のハイサイドまたはローサイドを有効化できます。

例として、2 つのハーフブリッジ (OUT1/OUT2、OUT3/OUT4、OUT5/OUT6) を、それぞれハーフブリッジ X (OUTX) およびハーフブリッジ Y (OUTY) として接続する場合があります。特定のハーフブリッジのハイサイドおよびローサイドのイネーブルビットは、モータを順転モード、逆転モード、ブレーキモード、コーストモードで駆動するように、以下のように構成されます：

表 7-25. モーターの動作 (OUTX と OUTY の間に接続されたモーター)

nSLEEP	ハーフブリッジ X HS	ハーフブリッジ X LS	ハーフブリッジ Y HS	ハーフブリッジ Y LS	OUTX	OUTY	
0	X	X	X	X	Z	Z	スリープ

表 7-25. モーターの動作 (OUTX と OUTY の間に接続されたモーター) (続き)

nSLEEP	ハーフブリッジ X HS	ハーフブリッジ X LS	ハーフブリッジ Y HS	ハーフブリッジ Y LS	OUTX	OUTY	
1	0	0	0	0	Z	Z	コースト
1	HS_ON = 1	LS_ON = 0	HS_ON = 0	LS_ON = 1	H	L	順方向
1	HS_ON = 0	LS_ON = 1	HS_ON = 1	LS_ON = 0	L	H	逆方向
1	HS_ON = 0	LS_ON = 1	HS_ON = 0	LS_ON = 1	L	L	ブレーキ (ローサイド)
1	HS_ON = 1	LS_ON = 0	HS_ON = 1	LS_ON = 0	H	H	ブレーキ (ハイサイド)

7.4.4.4 ハーフブリッジ ITRIP レギュレーション

デバイスのハーフブリッジには、ITRIP と呼ばれるオプションの固定周波数負荷電流調整機能があります。具体的にはアクティブな出力電流を、[OUTx_ITRIP_LVL](#) で決定される設定済み電流スレッショルドと比較します。OUT1-2 には 2 つの ITRIP 電流スレッショルドがあり、OUT3-6 には 3 つの電流スレッショルド オプションもあります。ITRIP スレッショルド、イネーブル、およびタイミング設定は、[HB_ITRIP_CONFIG](#)、[HB_ITRIP_FREQ](#)、および [HB_ITRIP_DG](#) で各ハーフブリッジに対して個別に設定されます。

このデバイスには常にイネーブルになる複数のドライバが内蔵されているため、ITRIP ハーフブリッジレギュレーション中の消費電力を低減する目的でフリーホイール構成があります。同期整流 (MOSFET) により、非同期整流 (ダイオード) に比べて消費電力が低くなります。ハーフブリッジのフリーホイール動作は、非同期 (パッシブフリーホイール) と同期整流 (アクティブフリーホイール) の間で構成可能です。ITRIP レギュレーション中のハーフブリッジの同期整流は、構成レジスタ [HB_OUT_CNFG1](#) の [NSR_OUTx_DIS](#) ビットを設定することでイネーブルになります。

ITRIP 検出は各ハーフブリッジのハイサイドおよびローサイド MOSFET の両方で行われ、ブランキングは内部で制御されます。

設定可能な ITRIP タイミング パラメータは、周波数およびグリッチ除去です。以下の表に、ITRIP の設定オプションをまとめます。

表 7-26. ハーフブリッジの ITRIP 同期整流設定

NSR_OUTx_DIS	ITRIP ハーフブリッジのオフ時間応答
0b	ハイインピーダンス
1b	相補型 MOSFET がオン

表 7-27. ハーフブリッジの ITRIP 電流スレッショルド

ハーフブリッジ	ITRIP 電流スレッショルド (標準値)	OUTx_ITRIP_LVL
OUT6	6.2A	10b
	5.4A	01b
	2.3A	00b
OUT5	7.6A	10b
	6.6A	01b
	2.9A	00b
OUT3 および OUT4	3.4A	10b
	2.5A	01b
	1.3A	00b

表 7-27. ハーフブリッジの ITRIP 電流スレッシュホールド (続き)

ハーフブリッジ	ITRIP 電流スレッシュホールド (標準値)	OUTx_ITRIP_LVL
OUT1 および OUT2	0.875A	1b
	0.7A	0b

表 7-28. ITRIP タイミング - グリッチ除去オプション

グリッチ除去時間	OUTx_ITRIP_DG
2µs	00b
5µs	01b
10µs	10b
20µs	11b

表 7-29. ITRIP タイミング - 周波数オプション

ITRIP 周波数	OUTx_ITRIP_FREQ
20kHz	00b
10kHz	01b
5kHz	10b
2.5kHz	11b

注

20kHz の ITRIP 周波数が必要な場合は、最も速いグリッチ除去時間を推奨します (2µs)。

ITRIP レギュレーションは、次のステップに従います。

- ハーフブリッジのローサイドまたはハイサイドがイネーブルになります。最初の ITRIP クロック エッジは、ハーフブリッジがイネーブルのときに発生します。
- ローサイドまたはハイサイドのいずれかで ITRIP 制限を超過すると、デバイスはグリッチ除去時間 $t_{DG_ITRIP_HB}$ よりも長い間待機します。
- グリッチ除去時間が経過しても ITRIP 制限を超えた場合、どちらかのハーフブリッジが Hi-Z に入るか、**NSR_OUTx_DIS** ビットの設定に応じて、ITRIP サイクルの残りの期間中、反対側の MOSFET をオンにします。ITRIP ステータスビットが設定され、レギュレーションループが再起動します。
- NSR_OUTx_DIS = 1b** (同期整流がイネーブル) の場合、イネーブルされている MOSFET を流れる電流が反転しているかどうかを監視されます。電流の反転が検出された場合、ITRIP サイクルの残りの期間、ハーフブリッジ出力は Hi-Z になります。

同期整流またはフリーホイール機能は、**NSR_OUTx_DIS** ビットを構成レジスタ **HB_OUT_CNFG1** で設定することによって有効になります。**NSR_OUTx_DIS = 0b** の場合、いずれかの MOSFET で ITRIP が発生すると、ハーフブリッジは Hi-Z になります。**NSR_OUTx_DIS = 1b** の場合、いずれかの MOSFET で ITRIP が発生すると、反対側の MOSFET がイネーブルになります。

例えば、補完モードでは **NSR_OUTx_DIS = 1b**、**OUTx_CNFG = 101b** および **010b** に設定します。PWM 入力 HS MOSFET をオンに設定し、HS MOSFET の ITRIP に達すると、ITRIP サイクルの残りの時間にわたって LS MOSFET がオンになります。HS MOSFET はサイクルの終わりにオンになります。PWM 入力 ITRIP 周期内に変化すると、ITRIP カウンタはリセットされ、LS MOSFET がオンの間、ITRIP レギュレーションがアクティブです。

ITRIP が発生したときに同期整流が有効であり MOSFET がオンになると、電流の反転またはゼロクロス検出が監視されます。ハイサイドとローサイドの両方の MOSFET にゼロクロス検出があります。ITRIP レギュレーション中に、検出された負荷電流がグリッチ除去時間より長い間 0A に達すると、ITRIP サイクルの残りの期間、ハーフブリッジ出力は Hi-Z になります。ゼロクロスグリッチ除去時間は、同じ ITRIP グリッチ除去時間です。

下の図は、`OUTx_ITRIP_LVL`、`NSR_OUTx_DIS`、`HB_ITRIP_FREQ`、`HB_TOFF_SEL`、`HB_ITRIP_DG` を設定した後のハーフブリッジにおける ITRIP 動作を示しています：

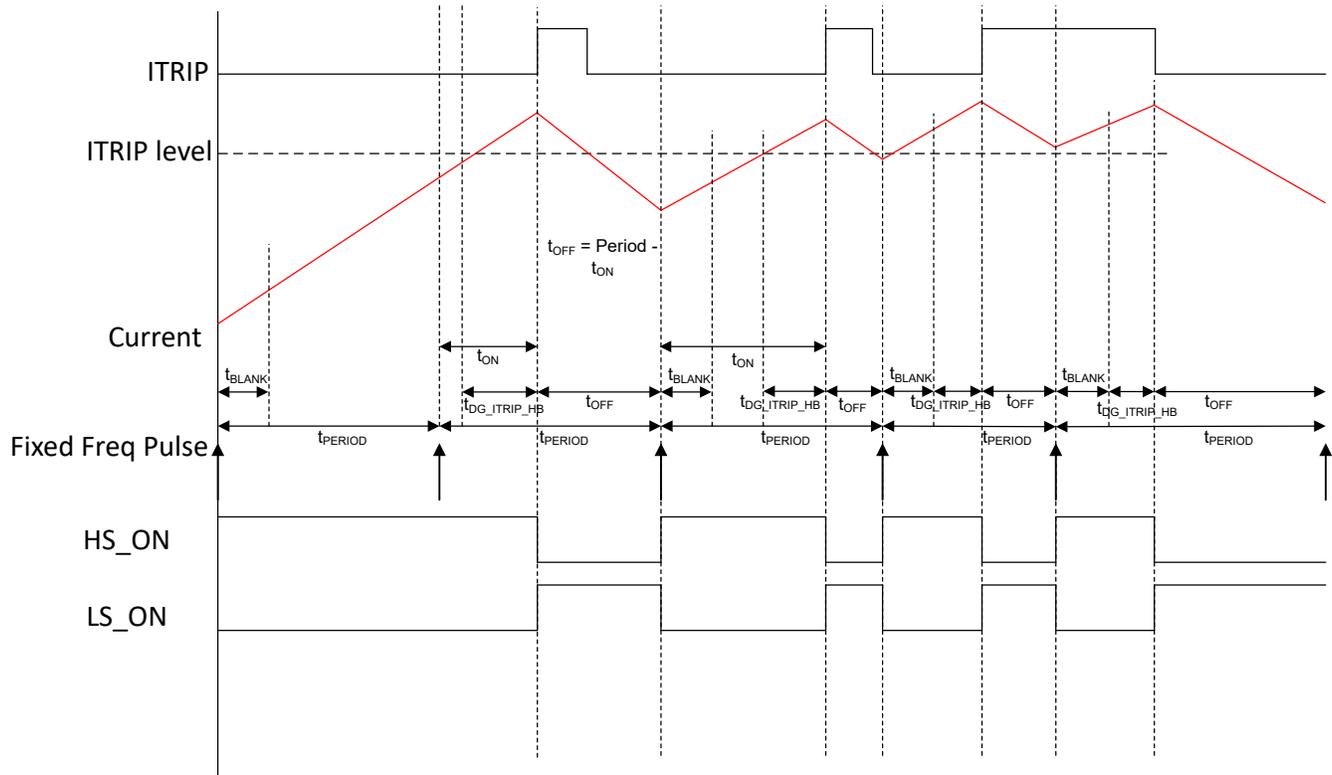


図 7-13. ハーフブリッジの固定周波数 ITRIP 電流レギュレーション

ITRIP の設定は、SPI 通信が利用可能な場合、`OUTx_ITRIP_LVL` ビットへの書き込みによりいつでも変更できます。変更は即座にデバイスの動作に反映されます。

ハーフブリッジが PWM 制御と ITRIP 用に構成されている場合、ITRIP に達すると、動作は SPI レジスタ制御の場合と同じですが、入力構成された PWM ピンから行われます。

`HB_ITRIP_FREQ` レジスタの `HB_TOFF_SEL` ビットに基づいて、 t_{OFF} の最小値が強制されます。この設定を有効にすると、 $Period = 1/f_{PWM}$ 、 $t_{OFF} = (Period - t_{ON})$ となります。 $(Period - t_{ON}) > t_{OFF_MIN}$ または $t_{OFF} = t_{OFF_MIN} (Period - t_{ON}) < t_{OFF_MIN}$ の場合です。

たとえば、`HB_TOFF_SEL = 01b` の場合、 $T/2$ の t_{OFF} の最小挿入です。

1. ITRIP がデューティサイクルの 50% を超えて発生した場合、ITRIP 後に最小固定 $T/2$ オフ時間が挿入されます。動作は $t_{OFF} = T/2$ です。
2. ITRIP が 50% デューティサイクル以内に発生した場合、動作は $t_{OFF} = (周期 - t_{ON})$ です。

表 7-30. 最小 t_{OFF} 時間オプション

HB_TOFF_SEL	最小 t_{OFF} は強制
00b	ディセーブル、ゼロ
01b	$T_{OFF} = T/2, 50\% T$
10b	$T_{OFF} = T/4, 25\% T$
11b	$T_{OFF} = T$

7.4.4.5 ハーフブリッジの保護と診断

ハーフブリッジドライバは過電流から保護されています。また、このデバイスは、オン状態およびオフ状態の負荷監視機能も備えています。フォルト信号はレジスタ `HB_STATX` によって行われます。

7.4.4.5.1 ハーフブリッジ オフ状態診断 (OLP)

ユーザーは、ハーフブリッジが無効になっている間、レジスタ `HB_OUT_CNFGx` でハーフブリッジがディセーブルされているときに、オフ状態診断を使用して、ペアのハーフブリッジのインピーダンスを判断できます。この診断により、次の故障状態をパッシブに検出することが可能です:

- VM または GND への出力短絡 < 1000Ω
- ハイサイド負荷用に開放負荷 (最小 R_{OPEN_HB})、VM = 13.5V

表 7-31. オフ状態の開放負荷スレッシュホールド

デバイス	最小 R_{OPEN_HB}
DRV8000-Q1	35 Ω
DRV8000E-Q1	320 Ω
DRV8001-Q1	320 Ω
DRV8002-Q1	35 Ω

注

この診断では、**負荷の短絡**を検出することはできません。しかし、出力がアクティブに駆動されている際に過電流エラー (OCP) が発生しているにもかかわらず、出力が無効になっている際に OLP 診断がエラーを報告しない場合、ユーザーはこれを論理的に推論することができます。出力がアクティブに駆動されているときに OCP が発生し、出力が無効化されているときに OLP が発生する場合、端子短絡 (選択された出力ノードでの短絡) を意味します。

- ユーザーは、次の組み合わせを設定できます。
 - `OUTx` 上の内部プルアップ抵抗 (R_{OLP_PU})
 - `OUTx` 上の内部プルダウン抵抗 (R_{OLP_PD})
 - コンパレータの基準電圧レベル
- この組み合わせは、`HB_OL_CNFG1` レジスタの `HB_OLP_CNFG` ビットによって決定されます。
- 診断されるハーフブリッジ ペアは、`HB_OL_CNFG1` レジスタの `HB_OLP_SEL` ビットによって決定されます。
- オフ状態診断コンパレータ出力は、`HB_OLP_STAT` ビットを `HB_STAT2` レジスタ内で利用可能です。出力はラッチされません。
- ユーザーはすべての組み合わせを切り替え、出力が安定した後のステータス ビット出力を記録することが期待されます。
- 入力 of 組み合わせとステータス レジスタに基づいて、ユーザーは出力にエラーがあるかどうかを判断できます。

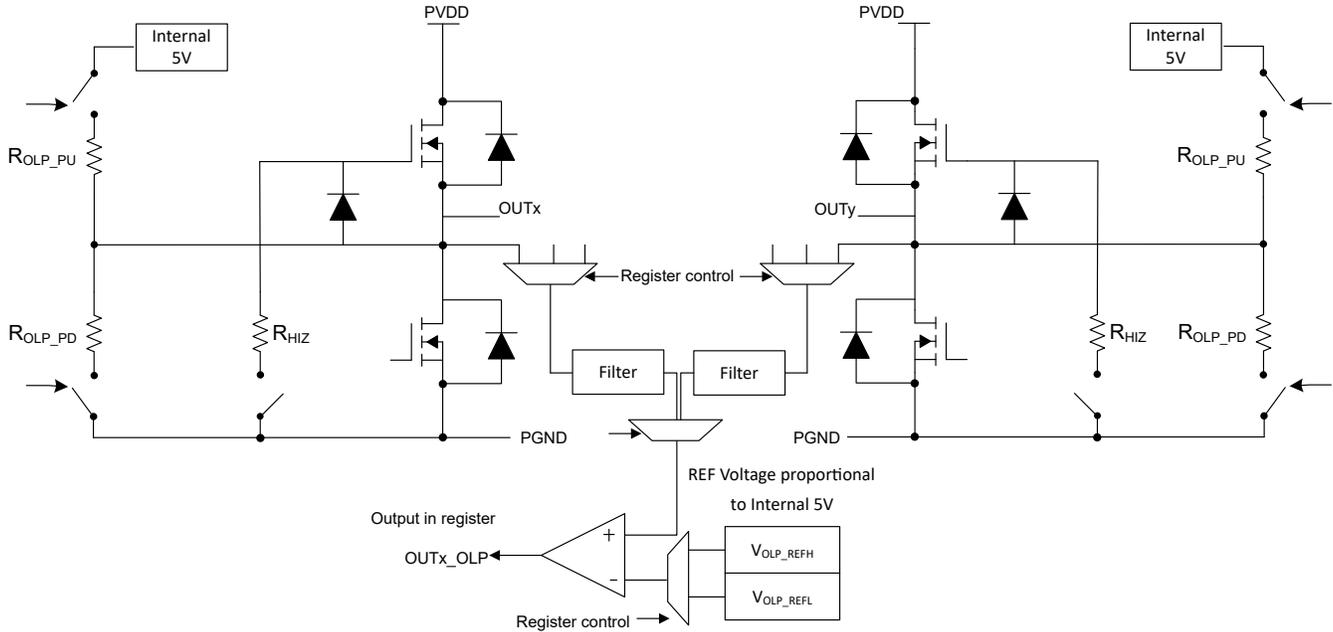


図 7-14. オフ状態 (パッシブ) 診断

以下の出力、プルダウン/プルアップ、VREF の組み合わせを示します。

表 7-32. オフ状態の出力プルアップ/プルダウンおよび VREF オプション

HB_OLP_CNFG	説明
00b	OLP オフ
01b	出力 X プルアップ有効、出力 Y プルダウン有効、出力 Y 選択、VREF Low
10b	出力 x プルアップ有効、出力 Y プルダウン有効、出力 X 選択、VREF High
11b	出力 X プルダウン有効、出力 Y プルアップ有効、出力 Y を選択、VREF Low

故障がないシナリオおよびフォルトのあるシナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表を表 7-33 に示します。診断がアクティブかつ有効になるにはビット OUTx_CNFG をレジスタ HB_OUT_CNFGx において、すべてのハーフブリッジ構成をゼロ (ディスエーブル) にする必要があります。

表 7-33. オフ状態診断制御表

ユーザー入力		OLP の設定				HB_OLP_STAT			
HB_OLP_CNFG	nSLEEP	OUTX	OUTY	CMP REF	選択された出力	通常	オープン	GND 短絡	VM 短絡
01b	1	ROLP_PU	ROLP_PD	VOLP_REFL	OUTY	1b	0b	0b	1b
10b	1	ROLP_PU	ROLP_PD	VOLP_REFH	OUTX	0b	1b	0b	1b
11b	1	ROLP_PD	ROLP_PU	VOLP_REFL	OUTY	1b	1b	0b	1b

以下に、ハーフブリッジのペアのオフ状態の組み合わせと選択値を示します。

注

いずれかのハーフブリッジが有効化されると、すべてのハーフブリッジ OLP ビットは自動的に無効化され、デバイスはオフ状態診断を終了します。

表 7-34. OUTx と OUTy の構成

HB_OLP_SEL	OUTx と OUTy ペアが選択されています
0000b	出力なし
0001b	OUT1 および OUT2
0010b	OUT1 および OUT3
0011b	OUT1 および OUT4
0100b	OUT1 および OUT5
0101b	OUT1 および OUT6
0110b	OUT2 および OUT3
0111b	OUT2 および OUT4
1000b	OUT2 および OUT5
1001b	OUT2 および OUT6
1010b	OUT3 および OUT4
1011b	OUT3 および OUT5
1100b	OUT3 および OUT6
1101b	OUT4 および OUT5
1110b	OUT4 および OUT6
1111b	OUT5 および OUT6

7.4.4.5.2 ハーフブリッジ開放負荷検出

デバイスがアクティブで駆動コマンドを待機しているとき、ハーフブリッジ OUT1～OUT6 には開放負荷検出ループがあります。検出方式では、各ハーフブリッジ出力のハイサイドとローサイドそれぞれの開放負荷ステータスを順にチェックし、レジスタ HB_STAT2 の OUTx_xx_OLA ビット、およびレジスタ IC_STAT1 の WARN ビットのステータスを報告します。

スタンバイまたはスリープ モードから、OUT1 から開始して、制御ループは開放負荷フィルタ時間の完了後に、そのハーフブリッジの電流を低電流のスレッシュホールドと比較することで開放負荷状態を確認し始めます。PWM モードで動作する場合、この遅延は、レジスタ HB_OL_CNFG2 の OUTx_OLA_TH ビットを使用して、32、128、512、1024 PWM サイクルに設定できます。読み戻しには 1 つの追加サイクルが必要です。たとえば、OUTx_OLA_TH が 32 サイクルに構成されている場合、読み戻しする値が 33 番目のサイクルの終了時に利用可能になります。出力が EN/DIS のみで駆動される場合 (PWM スイッチングなし)、開放負荷検出の遅延は 10ms です。

表 7-35. 開放負荷検出サイクル遅延

OUTx_OLA_TH	遅延サイクル カウント
00b	32
01b	128
10b	512
11b	1024

サイクル カウント スレッシュホールドの終了時、または 10ms のタイムアウトが発生した場合、OUTx_HS_OLA/OUTx_LS_OLA ビットが報告されます。設定された遅延サイクル数の後に開放負荷が検出されなければ、ループは次のハーフブリッジに移ります。ループは OUT6 を介して各出力のチェックを継続し、その後 OUT1 に戻り、OLA ループを再起動します。開放負荷チェックを有効にするには、ハーフブリッジの開放負荷検出が有効化されている必要があります。

($OUTx_OLA = 1b$)、かつ出力 $OUTx_CNFG$ が無効化されていない必要があります。下の図は、OLA スキームを示しています。

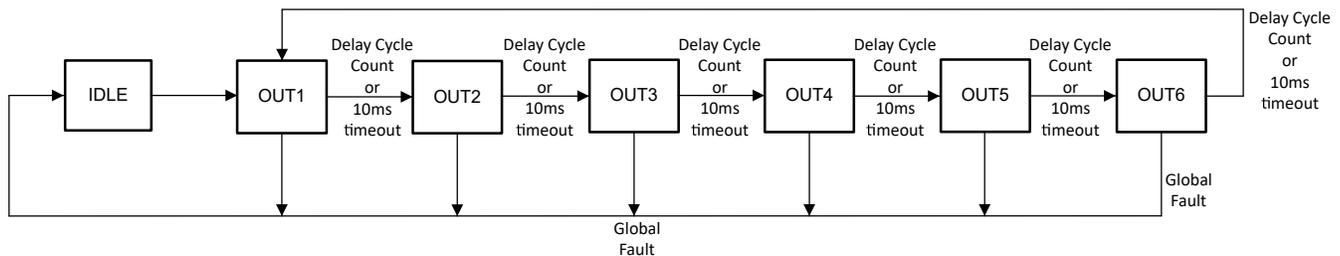


図 7-15. ハーフブリッジ開放負荷アクティブ検出

次の 3 つの条件のいずれかが満たされると、いずれかのハーフブリッジはスキップされます。

1. $OUTx$ は無効化されます ($OUTx_CNFG = 00b$)。
2. ハーフブリッジの開放負荷検出はイネーブルされていません ($OUTx_OLA = 0b$)。
3. $OUTx$ は 10ms を超える間オフになります
4. HS_OLA と LS_OLA の両方がすでに検出されフラグが立っている場合、または $OUTx$ に他のフォルト状態 (過電流、過熱) が発生している場合

すべてのハーフブリッジ $OUTx$ が PWM なしで有効になっている場合、すべてのハーフブリッジを巡回するループの合計時間は最大 60 ミリ秒かかる可能性があります。ハーフブリッジが個別または順次に駆動される場合、ループは 10ms 以上 (EN または PWM 制御周波数に依存) で開放負荷を検出します。ハーフブリッジが低周波の外部 PWM 信号で駆動される場合、出力のオフ時間が 10ms の開放負荷検出ウィンドウを超えることがあります。そのため、ハーフブリッジはタイムアウト終了時、または PWM サイクル数が 10ms 未満の場合にステータスを報告し、その後処理を継続します。

7.4.4.5.3 ハーフブリッジ過電流保護

ハーフブリッジがアクティブのとき、ハード短絡事象の発生時に各 MOSFET のアナログ電流保護回路により MOSFET がシャットオフされます。出力電流が過電流スレッシュホールド I_{OCP_OUTX} を上回る状態になり、その時間が $t_{DG_OCP_HB}$ を超えると、過電流フォルトが検出されます。対応する出力は Hi-Z (ラッチ動作) であり、レジスタ (HB_STAT1) にフォルトがラッチされます。 $PVDD_OV_MODE$ で $V_{PVDD} > V_{PVDD_OV}$ が構成されている場合、ハーフブリッジはディセーブルになります。

ハーフブリッジドライバの過電流グリッチ除去時間 $t_{DG_OCP_HB}$ の場合、以下の表にまとめる 4 つの過電流グリッチ除去のオプションがあります。

表 7-36. ハーフブリッジ過電流グリッチ除去

$OUTx_OCP_DG$	電圧制限	グリッチ除去時間
00b	$V_{PVDD} < V_{PVDD_OV}$	6 μ s
01b	$V_{PVDD} < V_{PVDD_OV}$	10 μ s
10b	$V_{PVDD} < V_{PVDD_OV}$	15 μ s
11b	$V_{PVDD} < 20\text{ V}$	60 μ s
	$V_{PVDD} > 20\text{ V}$	15 μ s

ドライバを再起動するには、まず MCU がステータスレジスタを読み取ってレジスタ内のエラーをクリアする必要があります。次の図に、ハーフブリッジの過電流動作を示します。

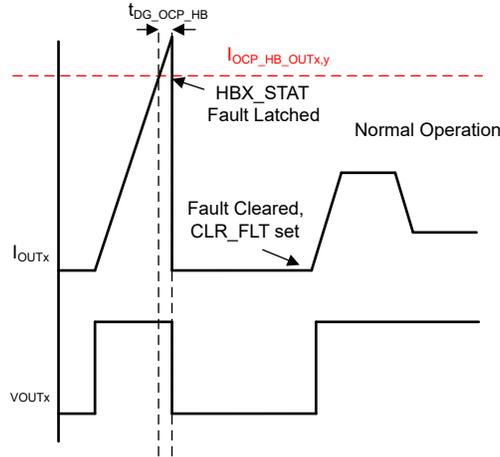


図 7-16. ハーフブリッジの過電流動作

7.4.5 センス出力 (IPROPI)

このデバイスは、IPROPI ピンで電流センス、 V_{PVDD} の監視、およびダイ温度の出力を備えています。この情報は、負荷のステータスやレギュレーション (OUTx 上)、ダイ温度のチェック、またはローカル モータ電源電圧の供給に使用できます。これらの統合機能により、複数の外部センス抵抗やセンス回路が不要になり、システム サイズ、コスト、複雑さを削減できます。

シャントレス ハイサイド電流ミラー構成により、負荷電流を検出します。IPROPI 出力電流は、有効化されたドライバ (OUTx) の瞬時電流に対して、固定の比率 A_{IPROPI} で決まります。サーマル クラスタ出力は、対応するゾーン温度検出回路から供給されます。ローカル モータ電源の PVDD センスと温度センスは、IPROPI 抵抗を介して IPROPI ピンの電流出力に変換され、5V および 3.3V の ADC ピンに対応するスケラブルな出力電圧を可能にします。

IPROPI センス出力においては、選択されたスケール (負荷電流、電圧、または温度) の最大値が、最大 IPROPI 出力電流 2 mA で表されます。例えば、8A の負荷を駆動している場合 (これはドライバの最小 OCP)、OUT5 の IPROPI を選択すると、想定される IPROPI 出力電流は 2mA になります。負荷電流がドライバの最小 OCP をわずかに上回る場合、IPROPI 出力電流が IPROPI の電流検出比に従っているかどうかを確認できず、場合によっては OCP シャットダウンが発生することがあります。

ビット IPROPI_SEL は、IPROPI ピンにどの出力が多重化されるかを定義します (以下の表に示す制御値を示します):

表 7-37. IPROPI_SEL オプション

IPROPI_SEL	出力
00000b	出力なし
00001b	OUT1 による電流検出
00010b	OUT2 による電流検出
00011b	OUT3 による電流検出
00100b	OUT4 による電流検出
00101b	OUT5 による電流検出
00110b	OUT6 による電流検出
00111b	OUT7 による電流検出
01000b	OUT8 による電流検出
01001b	OUT9 による電流検出
01010b	OUT10 による電流検出
01011b	OUT11 による電流検出
01100b	OUT12 による電流検出

表 7-37. IPROPI_SEL オプション (続き)

IPROPI_SEL	出力
01101b	RSVD
01110b	RSVD
01111b	RSVD
10000b	V _{PVDD} 検出の公称範囲 (5V ~ 22V)
10001b	サーマル クラスタ 1
10010	サーマル クラスタ 2
10011	サーマル クラスタ 3
10100	サーマル クラスタ 4
10101	V _{PVDD} 検出 High レンジ (20V ~ 32V)

次の図は、選択可能な IPROPI 出力の簡単なブロック図を示しています。

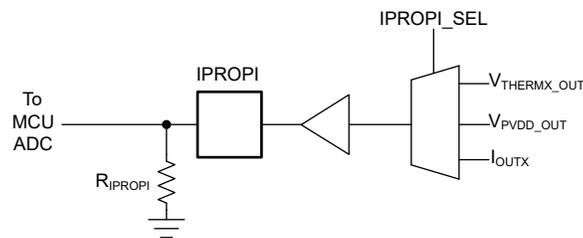


図 7-17. IPROPI 出力回路

IPROPI リセット、ブランク、セトリグ時間: 上記の表から IPROPI 出力オプションのいずれかを選択するとき、IPROPI_SEL ビットを使用して、最初に IPROPI 出力は 5.5μs 内で 0V にリセットされます。このリセットは、すべての IPROPI 出力の選択または遷移に対して発生します。誤った読み取りを防ぐために、いずれかのドライバまたはセンス出力をオンにした後、回路が安定するまで IPROPI の信号はブランキングされます。ハイサイドドライバの場合、その時間はおよそ 60μs です。

電流 (I_{OUTX}) センス: 電流出力の場合、IPROPI 出力のアナログ電流は A_{IPROPI} で次のようにスケールされます。

$$I_{IPROPI} = I_{OUTX} / A_{IPROPI} \quad (1)$$

PVDD センス: PVDD 電圧センス出力には、次の 2 つの範囲があります:

- 公称範囲: 5V ~ 22V、ここで、IPROPI 出力電流は以下の通りです: V_{PVDD}/11,000
- ハイレンジ: 20V ~ 32V、ここで、IPROPI 出力電流は以下の通りです: V_{PVDD}/16,500

次に例を示します。

- 公称 PVDD 範囲 1 に対して IPROPI_SEL を選択します (IPROPI_SEL = 10000b)
- V_{PVDD} は 13.5V です
- I_{IPROPI} = 1.2mA

PVDD 検出フォルト動作: IPROPI PVDD 電圧センス出力は有効で、V_{PVDD} が PVDD UV スレッショルドを上回っているとき、および V_{DVDD} が推奨される最小動作電圧を上回っているときに利用可能です。

V_{PVDD} が PVDD OV スレッショルドを上回っても、PVDD 検出出力はサポートされます。ただし、公称範囲 (5V ~ 22V) の IPROPI PVDD 検出出力は、V_{PVDD} > 22V 以上では検証できません。1/16,500 のハイレンジ IPROPI PVDD 検出出力比は 20V ~ 32V 以内で有効ですが、V_{PVDD} (32V) を超えると検証することはできません。

PVDD センスが利用できない故障:

- チャージポンプ低電圧 (VCP_UV)
- グローバル シャットダウン用に構成されている場合のサーマル シャットダウン (デフォルト)

温度検出出力: IPROPI 出力は、4 つのサーマル クラスタ温度のいずれか 1 つの電流値を表すこともできます。これはテストと評価に使用することを意図していますが、デバイスの実行時に使用することはできません。

IPROPI 出力電流が利用可能な最大内部温度は 195°C で、この時点で IPROPI 出力電流は 1.94mA です。IPROPI 電流出力は、-40°C ~ 195°C の温度範囲に従ってスケールされます。IPROPI 出力電流の式は次のとおりです:

$$I_{IPROPI} = \alpha + \beta \times t$$

ここで、 α はオフセットが 1.49mA にほぼ等しく、 β は 2.24 μ A/°C、「t」は温度です。温度に戻すためには、温度について解くと次のようになります:

$$t = (I_{IPROPI} - \alpha) / \beta$$

R_{IPROPI} で生成される電圧は、次のようになります:

$$t = ([V_{IPROPI} / R_{IPROPI}] - \alpha) / \beta$$

例えば、クラスタ温度が 0°C のとき、IPROPI 出力電流は 1.49mA です。145°C での IPROPI の出力電流は 1.81mA です。

比例電圧 V_{IPROPI} を生成するには、外付け抵抗 (R_{IPROPI}) を介して IPROPI ピンをグラウンドに接続する必要があります。これにより、アプリケーション内の R_{IPROPI} 抵抗の両端の電圧降下として IPROPI 電流を測定することができ、コントローラの ADC の全範囲が利用可能になります。

IPROPI 抵抗の値を選択するときは、最大動作 IPROPI 出力電圧は 4.7V であることに注意してください。この値は、最大センサ値 (ドライバの最大負荷電流など) で IPROPI 出力電圧を 5.3V に駆動する IPROPI の出力誤差 10% を考慮しています。この電圧を下回るようにするには、2.35k Ω による 2mA が約 4.7V であるため、2.35k Ω 未満の抵抗値を使用します。MCU の電圧 3.3V が必要な場合、この IPROPI の出力誤差が 10% であることを考慮して、MCU の絶対最大電圧を下回るような抵抗を求めます。

7.4.6 保護回路

7.4.6.1 フォルト リセット (CLR_FLT)

DRV8001-Q1 には、ドライバからフォルト状況をクリアし、動作を再開するための特定のシーケンスが用意されています。この機能は CLR_FLT レジスタ ビットによって動作します。フォルト通知をクリアするには、フォルト状況の解消後、CLR_FLT レジスタ ビットをアサートする必要があります。アサート後、ドライバはフォルトをクリアし、CLR_FLT レジスタ ビットをリセットします。

7.4.6.2 DVDD ロジック電源パワーオン リセット (DVDD_POR)

DVDD ピンの入力ロジック供給電圧が V_{DVDD_POR} スレッショルドを下回る時間が、 $t_{DVDD_POR_DG}$ より長くなったり、nSLEEP ピンがローにアサートされたりすると、デバイスは非アクティブ状態に入り、ゲートドライバ、チャージポンプ、OUTx 出力、および保護モニタが無効になります。DVDD 低電圧状態が解消されるか、nSLEEP ピンが High にアサートされると、通常動作が再開されます。DVDD パワーオンリセット (POR) 後、CLR_FLT が発行されるまで POR レジスタ ビットがアサートされます。

7.4.6.3 PVDD 電源低電圧監視 (PVDD_UV)

PVDD ピンの電源電圧が V_{PVDD_UV} スレッショルドを下回る状態が、 $t_{PVDD_UV_DG}$ 時間より長く続くと常に、DRV8001-Q1 は PVDD 低電圧イベントを検出します。低電圧状態の検出後、ゲートドライバプルダウンはイネーブル、チャージポンプはディセーブルになり、すべての OUTx がディセーブルされ、FAULT ビットおよび PVDD_UV レジスタ ビットがアサートされます。

PVDD 低電圧モニタは PVDD_UV_MODE レジスタで設定される 2 つの異なるモードで回復できます。

- **ラッチ フォルト モード:** 低電圧状態の解消後、CLR_FLT が発行されるまでは、フォルト状態はラッチされたままで、すべての出力はディセーブルのままです。

- **自動回復モード:** 低電圧状態が解消されると、**FAULT** レジスタのビットが自動的にクリアされ、出力は再びイネーブルになります。**PVDD_UV** レジスタビットは、**CLR_FLT** が発行されるまでラッチされたままです。

7.4.6.4 PVDD 電源過電圧監視 (PVDD_OV)

DRV8001-Q1 には、2 つの V_{PVDD_OV} スレッショルド、Low および High スレッショルドがあります。過電圧応答の選択肢は、構成されたドライバ出力 (ハイサイド、EC、ヒータードライバ、ハーフブリッジドライバ) に依存します。IC_STAT1 には、PVDD_OV_22V と PVDD_OV_28V の 2 つの故障ステータスビットが用意されています。

PVDD 過電圧モニタは **PVDD_OV_MODE** レジスタで設定される 2 つの異なるモードで回復できます。

- **ラッチ故障モード (0b):** 過電圧状態の検出後、すべてのドライバが無効になり、**FAULT** レジスタビットおよび PVDD_OV_22V または PVDD_OV_28V レジスタビットがアサートされます。過電圧状態の解消後、**CLR_FLT** が発行されるまではフォルト状態はラッチされたままです。
- **自動回復モード (1b):** 過電圧状態の検出後、すべてのドライバが無効になり、**FAULT** レジスタビット、および PVDD_OV_22V または PVDD_OV_28V レジスタビットがアサートされます。過電圧状態が解消されると、**FAULT** レジスタのビットが自動的にクリアされ、チャージポンプは自動的に再びイネーブルになります。PVDD_OV_22V または PVDD_OV_28V レジスタビットは、**CLR_FLT** が発行されるまでラッチされたままです。

ハイサイド、EC、ヒータードライバの過電圧フォルト (PVDD_OV_22V):

- V_{PVDD} が低い V_{PVDD} スレッショルド電圧 (22V) を超えると、ハイサイドドライバ、ECドライバ、およびヒータードライバはシャットオフします。
- PVDD_OV_22V 故障ステータスは、ハイサイド、EC、ヒータードライバの PVDD 過電圧動作表で定義されています。
- ハイサイド、EC、ヒータードライバの出力では、**PVDD_OV_LVL** 設定は利用できません
- **PVDD_OV_MODE** は、故障応答のラッチ故障モードまたは自動復帰モードに設定できます。

表 7-38. ハイサイド、EC、ヒータードライバの PVDD 過電圧動作

PVDD 電圧	ハイサイド、EC、ヒータードライバ	PVDD_OV_22V のステータス	PVDD_OV_28V	故障
$V_{PVDD} < 22\text{ V}$	通常動作	0b	該当なし	0b
$V_{PVDD} > 22\text{ V}$	シャットダウン	1b	該当なし	1b

ハーフブリッジ過電故障圧 (PVDD_OV_22V または PVDD_OV_28V):

- ハーフブリッジは、 V_{PVDD} が Low V_{PVDD} スレッショルド電圧 (22V) を超えた場合の警告またはシャットオフ、あるいは High V_{PVDD} スレッショルド電圧 (28V) を超えた場合のシャットオフに対応しています。
- PVDD_OV_22V は、ハーフブリッジおよびゲートドライバの PVDD 過電圧動作テーブルに定義されているように、これらのドライバ出力に対して利用可能なレジスタ **PVDD_OV_LVL** 設定を使用して、警告または故障条件に構成できます。
- PVDD_OV_22V のグリッチ除去時間は、**PVDD_OV_DG** レジスタ設定によって調整できます。
- **PVDD_OV_MODE** は、故障応答のラッチ故障モードまたは自動復帰モードに設定できます。

表 7-39. ハーフブリッジとゲートドライバの PVDD 過電圧動作

PVDD_OV_LVL	PVDD 電圧	ハーフブリッジとゲートドライバ	ハイサイド、EC、ヒータードライバ	PVDD_OV_22V	PVDD_OV_28V	故障
0b	$V_{PVDD} < 22\text{ V}$	通常動作	通常動作	0b	0b	0b
0b	$V_{PVDD} > 22\text{ V}$	シャットダウン	シャットダウン	1b	0b	1b
1b	$V_{PVDD} < 22\text{ V}$	通常動作	通常動作	0b	0b	0b
1b	$28\text{ V} > V_{PVDD} > 22\text{ V}$	警告ありの通常動作	シャットダウン	1b	0b	1b
1b	$V_{PVDD} > 28\text{ V}$	シャットダウン	シャットダウン	1b	1b	1b

7.4.6.5 VCP チャージポンプ低電圧誤動作防止 (VCP_UV)

VCP ピンの電圧が V_{VCP_UV} スレッシュホールドを下回る状態が、 $t_{VCP_UV_DG}$ 時間を超えると常に、DRV8001-Q1 は VCP 低電圧状態を検出します。低電圧状態の検出後、すべての出力がディセーブルになり、FAULT レジスタビットおよび VCP_UV レジスタビットがアサートされます。

VCP 低電圧モニタは VCP_UV_MODE レジスタで設定される 2 つの異なるモードで回復できます。

- ラッチ フォルト モード: さらに、ラッチ フォルト モードではチャージポンプがディセーブルになります。低電圧状態の解消後、CLR_FLT が発行されるまでは、フォルト状態はラッチされたままで、チャージポンプはディセーブルのままです。
- 自動回復モード: 低電圧状態が解消されると、FAULT レジスタビットがクリアされ、ドライバは自動的に再びイネーブルになります。VCP_UV レジスタビットは、CLR_FLT が発行されるまでラッチされたままです。

7.4.6.6 サーマル クラスタ

このデバイスには複数のドライバとドライバの種類があるため、チップ上の主要ブロックの温度を監視するために、チップ上に複数の専用サーマル センサが配置されています。これらのセンサはそれぞれ、サーマル クラスタと呼ばれ、特定のデバイス ブロックのローカル ダイ温度を測定します。これらの測定値は電流に変換され、IPROPI ピンから出力されます。これは、温度警告をトリガーしたり、許容温度範囲を超えた特定のクラスタ、またはデバイス全体をシャットダウンするために使用されます。

サーマル クラスタ警告に対するデバイスの応答は、IC_CNFG1 レジスタの OTSD_MODE ビットで構成できます。

- デフォルト モード (OTSD_MODE = 0b): いずれかのクラスタが t_{OTSD_DG} より長い間サーマル シャットダウン スレッシュホールドに達すると、デバイス全体がシャットダウンされます。
- クラスタ モード (OTSD_MODE = 1b): クラスタが t_{OTSD_DG} より長い間サーマル シャットダウン スレッシュホールドに達した場合、そのクラスタのみがシャットオフされます。

次の表と図に示すように、サーマル クラスタで定義された 4 つのゾーンがあります。

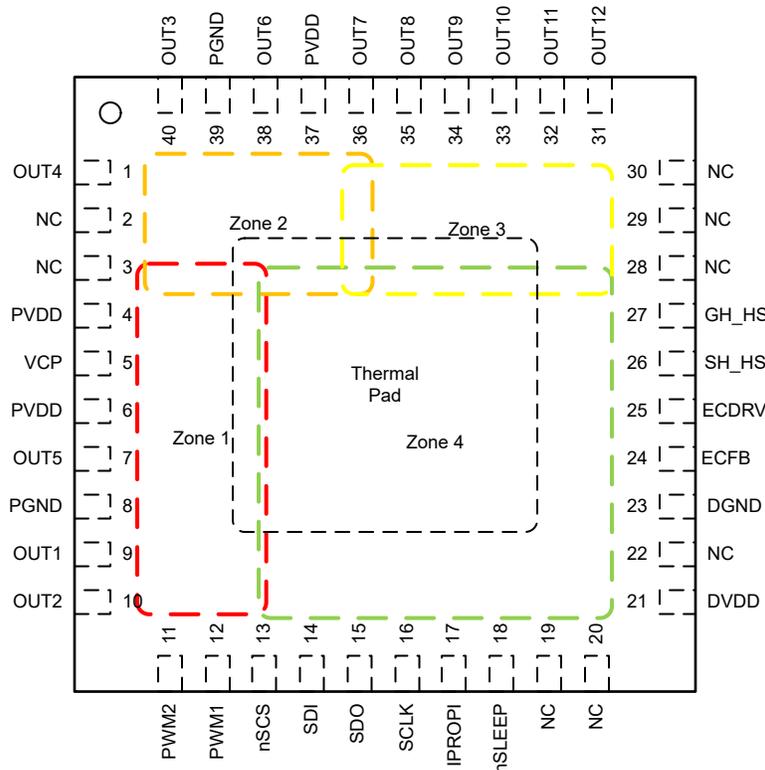


図 7-18. サーマル センサ ゾーン

表 7-40. サーマル クラスタの位置

サーマル クラスタ 1	サーマル クラスタ 2	サーマル クラスタ 3	サーマル クラスタ 4
OUT5、OUT1 および OUT2	OUT3、OUT4 および OUT6	ハイサイドドライバ	グローバルドライバと残りのドライバ

各ゾーンに、2 つの温度ポイントに対してコンパレータ ベースの警告があり、Low が 120°C、High が 140°C です。ビット ZONEX_OTW_X (L または H) がレジスタ IC_STAT2 でラッチされます。各警告は、レジスタ IC_CNFG2 のビット ZONEX_OTW_X_DIS を使用して個別に無効化できます。過熱シャットダウンが発生すると、レジスタ IC_STAT2 の ZONEX_OTSD ビットがラッチされます。

7.4.6.7 ウォッチドッグ タイマ

このデバイスは、外部コントローラが動作していることを確認し、SPI バスの整合性を監視するために、プログラマブル ウィンドウ タイプの SPI ウォッチドッグ タイマを統合しています。SPI ウォッチドッグタイマは、WD_EN SPI レジスタビットでイネーブルにできます。ウォッチドッグ タイマは、デフォルトで無効になっています。ウォッチドッグ タイマがイネーブルになると、内部タイマはカウントアップを開始します。ウォッチドッグ タイマは、WD_RST SPI レジスタを反転することでリセットされます。この WD_RST は、下位ウィンドウ時間と上位ウィンドウ時間の間に発行する必要があります。ウォッチドッグ タイマのフォルトが検出された場合、デバイスの応答は、警告のみを通知するか、障害を通知して、すべてのドライバをディセーブルにするかのどちらかを構成できます。ウォッチドッグ故障は、CLR_FLT コマンドでクリアできます。ウォッチドッグがすべてのドライバをディセーブルに設定されている場合、CLR_FLT コマンドを送信した後でドライバがイネーブルになり、ウォッチドッグのフォルト状態が解消されます。クリア故障後にウォッチドッグを再起動するには、WD_EN ビットを使用してウォッチドッグをディセーブルにし、再度イネーブルにします。

7.4.6.8 障害検出と応答の概略表

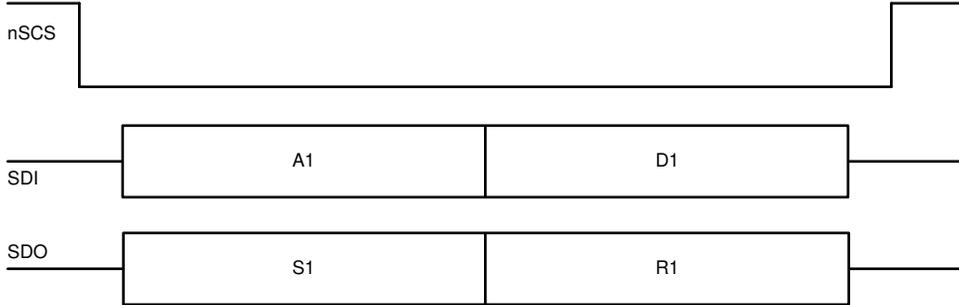
故障イベント	条件	モード	デジタル コア	チャージ ポンプ	ドライバ	ステータス ビット	故障 / 警告	機能的回復	ステータスビットの回復
SPI クロック障害	無効な SPI クロック フレーム	ラッチ	アクティブ	アクティブ	アクティブ	SPI_OK、SCLK_FLT、SDO フレームでのフレーム SPI_ERR を拒否	該当なし	有効な SPI フレーム	CLR_FLT
SPI アドレス障害	アドレスが範囲外	ラッチ	アクティブ	アクティブ	アクティブ	SDO フレームの SPI_ERR	該当なし	有効な SPI フレーム	該当なし
DVDD パワーオンリセット	DVDD < VD_VDD_POR	該当なし	リセット	無効	セミアクティブブルダウン	POR	該当なし	DVDD > VD_VDD_POR	CLR_FLT
PVDD 低電圧	PVDD < VPVDD_UV	ラッチ	アクティブ	無効	ブルダウン	SDO フレーム上の PVDD_UV OV / UV	故障	PVDD > VPVDD_UV および CLR_FLT	CLR_FLT
		自動	アクティブ	無効	ブルダウン	SDO フレーム上の PVDD_UV OV / UV	故障	PVDD > VPVDD_UV	CLR_FLT
VCP 低電圧	VCP < VVCP_UV	ラッチ	アクティブ	無効	ブルダウン	SDO フレームでの VCP_UV OV / UV	故障	VCP > VVCP_UV および CLR_FLT	CLR_FLT
		自動	アクティブ	アクティブ	ブルダウン	SDO フレームでの VCP_UV OV / UV	故障	VCP > VVCP_UV	CLR_FLT

故障イベント	条件	モード	デジタル コア	チャージ ポンプ	ドライバ	ステータスビット	故障/警 告	機能的回復	ステータスビット の回復
PVDD 過電圧	PVDD_OV_LVL = 0, PVDD > 22V	ラッチ	アクティブ	アクティブ	ブルダウン	SDO フレーム上の PVDD_OV_22V OV / UV	故障	PVDD < VPVDD_OV_LO および CLR_FLT	CLR_FLT
		自動	アクティブ	アクティブ	ブルダウン	SDO フレーム上の PVDD_OV_22V OV / UV	故障	PVDD < VPVDD_OV_LO	CLR_FLT
	PVDD_OV_LVL = 1 28V > PVDD > 22V	ラッチ	アクティブ	アクティブ	EC、ヒータ、および HS はブルダウン	SDO フレーム上の PVDD_OV_22V OV / UV	故障	PVDD < VPVDD_OV_LO および CLR_FLT	CLR_FLT
		自動	アクティブ	アクティブ	EC、ヒータ、および HS はブルダウン	SDO フレーム上の PVDD_OV_22V OV / UV	故障	PVDD < VPVDD_OV_LO	CLR_FLT
	PVDD_OV_LVL = 1, PVDD > 28V	ラッチ	アクティブ	アクティブ	ブルダウン	SDO フレームの PVDD_OV_22V、PVDD_OV_28V OV / UV	故障	PVDD < VPVDD_OV_LO および CLR_FLT	CLR_FLT
		自動	アクティブ	アクティブ	ブルダウン	SDO フレームの PVDD_OV_22V、PVDD_OV_28V OV / UV	故障	PVDD < VPVDD_OV_LO	CLR_FLT
ハーフブリッジ過電流フォルト (OUT1~OUT6)	IOUTx > IOCPx	ラッチ	アクティブ	アクティブ	影響を受けるドライバ Hi-Z	HB、OUTx_HS_OCP、OUTx_LS_OCP	故障	IOUTx < IOCPx および CLR_FLT	CLR_FLT
ハーフブリッジアクティブ開放負荷フォルト (OUT1~OUT6)	IOUTx < IOLA_OUTx	ラッチ	アクティブ	アクティブ	アクティブ	HB、OUTx_HS_OLA、OUTx_LS_OLA	WARN	IOUTx > IOLA_OUTx および CLR_FLT	CLR_FLT
ハイサイドドライバ過電流フォルト (OUT7-OUT12)	OUTx_ITRIP_EN = 0 IOUTx > IOCx	ラッチ	アクティブ	アクティブ	影響を受けるドライバ Hi-Z	HS、ITRIP、OUTx_ITRIP_STAT	故障	IOUTx < IOCx および CLR_FLT	CLR_FLT
ハイサイドドライバ OUTx ITRIP (OUT7-OUT12)	OUTx_ITRIP_EN = 1 IOUTx > IOCx	ラッチ	アクティブ	アクティブ	アクティブ	HS、ITRIP、OUTx_ITRIP_STAT	該当なし	IOUTx < IOCx	CLR_FLT
ハイサイドドライバ短絡フォルト (OUT7-12)	VOUTx < VSC_DET	ラッチ	アクティブ	アクティブ	影響を受けるドライバ Hi-Z	HS、OUTx_OCP	故障	VOUTx > VSC_DET および CLR_FLT	CLR_FLT
ハイサイドドライバ開放負荷フォルト (OUT7-OUT12)	IOUTx < IOLDx	ラッチ	アクティブ	アクティブ	アクティブ	HS、OUTx_OLA	WARN	IOUTx > IOLDx および CLR_FLT	CLR_FLT
ECFB 過電圧	ECFB_OV_MODE = 00b または 11b VECFB > VECFB_OV_TH	無効	アクティブ	アクティブ	アクティブ	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
	ECFB_OV_MODE = 01b VECFB > VECFB_OV_TH	ラッチ	アクティブ	アクティブ	アクティブ	EC_HEAT、ECFB_OV	該当なし	該当なし	CLR_FLT
	ECFB_OV_MODE = 10b VECFB > VECFB_OV_TH	ラッチ	アクティブ	アクティブ	EC ドライバ Hiz	EC_HEAT、ECFB_OV	故障	VECFB < VECFB_OV_TH および CLR_FLT	CLR_FLT
ECFB 短絡 (パッシブ)	ECFB_DIAG = 01b VECFB < VECFB_SC_TH	自動	アクティブ	アクティブ	該当なし	EC_HEAT、ECFB_DIAG_STAT	該当なし	VECFB > VECFB_SC_TH	該当なし
ECFB 開放負荷 (パッシブ)	ECFB_DIAG = 10b VECFB > VECFB_OLP_TH	自動	アクティブ	アクティブ	該当なし	EC_HEAT、ECFB_DIAG_STAT	該当なし	VECFB < VECFB_OLP_TH	該当なし
ECFB が目標電圧より高い	VECFB > VECFB_HI	自動	アクティブ	アクティブ	アクティブ	EC_HEAT、ECFB_HI	該当なし	VECFB < VECFB_HI	該当なし
ECFB が目標電圧より低い	VECFB < VECFB_LO	自動	アクティブ	アクティブ	アクティブ	EC_HEAT、ECFB_LO	該当なし	VECFB > VECFB_LO	該当なし
ECFB 過電流 (放電)	EC_FLT_MODE = 0b IECFB > IOC_ECFB	ラッチ	アクティブ	アクティブ	ECFB Hi-Z	EC_HEAT、ECFB_OC	故障	IECFB < IOC_ECFB および CLR_FLT	CLR_FLT

故障イベント	条件	モード	デジタル コア	チャージ ポンプ	ドライバ	ステータスビット	故障 / 警告	機能的回復	ステータスビット の回復
ECFB 開放負荷アク ティプ(放電)	IECFB < IOL_ECFB_LS	ラッチ	アクティブ	アクティブ	アクティブ	EC_HEAT、 ECFB_OL	WARN	IECFB > IOL_ECFB_LS およ び CLR_FLT	CLR_FLT
ヒータ VDS 過電流 の故障	VHEAT_VDS > VDS_LVL_HEAT	ラッチ	アクティブ	アクティブ	ヒータはプル ダウンです	EC_HEAT、 HEAT_VDS	故障	VHEAT_VDS < VDS_LVL_HEAT お よび CLR_FLT	CLR_FLT
		サイクル	アクティブ	アクティブ	ヒータはプル ダウンです	EC_HEAT、 HEAT_VDS	故障	VHEAT_VDS < VDS_LVL_HEAT お よび (CLR_FLT また は PWM)	CLR_FLT
		警告	アクティブ	アクティブ	アクティブ	EC_HEAT、 HEAT_VDS	WARN	該当なし	CLR_FLT
		無効	アクティブ	アクティブ	アクティブ	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ヒータ VDS オープン 負荷不良	VSH_HS > VOL_HEAT	ラッチ	アクティブ	アクティブ	ヒータはプル ダウンです	EC_HEAT、 HEAT_OL	故障	VSH_HS < VOL_HEAT および CLR_FLT	CLR_FLT
ゾーン X サーマル警 告	TJ > TOTW1、 TOTW2	自動	アクティブ	アクティブ	アクティブ	OTW、 ZONEx_OTW_L、 ZONEx_OTW_H	該当なし	TJ < TOTW1、 TOTW2	該当なし
ゾーン X サーマル シャットダウン	TJ > TOTSD	ラッチ	アクティブ	無効	セミアクティブ プルダウン、 Hi-Z	OTSD、 ZONEx_OTSD	故障	TJ < TOTSD および CLR_FLT	CLR_FLT
ウォッチドッグ	WD_FLT_M = 0b、無効なアクセス または期限切れ	警告	アクティブ	アクティブ	アクティブ	WD_FLT	WARN	CLR_FLT および WD_EN のディスエ ーブルおよび再イネ ーブル	CLR_FLT
ウォッチドッグ	WD_FLT_M = 1b、無効なアクセス または期限切れ	ラッチ	アクティブ	アクティブ	プルダウン	WD_FLT	故障	CLR_FLT および WD_EN のディスエ ーブルおよび再イネ ーブル	CLR_FLT

7.5 プログラミング

7.5.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)

SPI バスは、デバイス構成と動作パラメータの設定、DRV8001-Q1 デバイスの診断情報の読み出しに使用します。SPI は、ペリフェラル モードで動作し、コントローラに接続します。SPI 入力データ (SDI) ワードは 24 ビットのワード、8 ビットのコマンド、16 ビットのデータで構成されています。読み取りコマンド用の SPI 出力データ (SDO) ワードは、故障状態表示ビットと、読み取りコマンドでアクセスされるレジスタ データで構成されます。SDO ワードの書き込みコマンドは、故障ステータスに続いて書き込みレジスタの既存のデータが続く構成です。MCU と SPI ペリフェラルドライバ間のデータシーケンス  を示します。

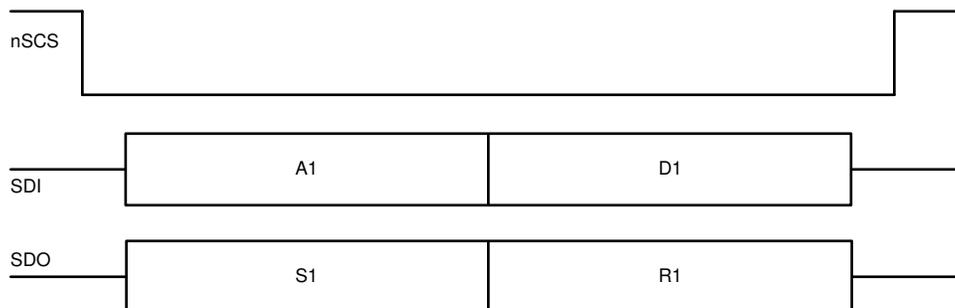


図 7-19. SPI データ フレーム

有効なフレームは次の条件を満たしていなければなりません。

- nSCS ピンが High から Low、Low から High に遷移すると、SCLK ピンの Low にプルされます。
- nSCS ピンは、ワードとワードの間では High にされている必要があります。
- nSCS ピンが High にされているときは、SCLK ピンと SDI ピンのすべての信号が無視され、SDO ピンが Hi-Z 状態になる。
- データは SCLK ピンの立ち下がりエッジで収集され、SCLK ピンの立ち上がりエッジで伝搬される。
- 最上位ビット (MSB) が最初にシフト イン/シフト アウトされる。
- トランザクションを有効にするには、24 SCLK サイクルすべてが発生しなければならない。
- SDI ピンに送信されるデータワードが 24 ビットより多い/少ない場合は、フレーム エラー (SCLK_FLT) が発生してデータワードが無視される。
- 書き込みコマンドの場合、16 ビットのコマンド データに続いて、書き込み先のレジスタの既存データが、エラー状態バイト、16 ビット データという順序で SDO ピンからシフトアウトされます。

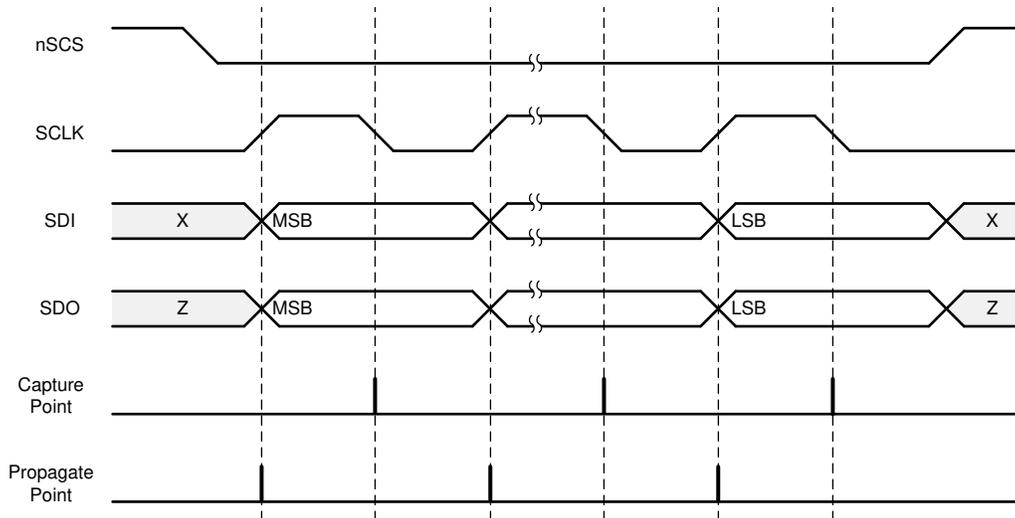


図 7-20. SPI ペリフェラルのタイミング図

7.5.2 SPI フォーマット

SDI 入力データワードは 24 ビット長であり、以下のフォーマットで構成されています。

- MSB ビットはフレームの種類を示します (標準フレームの場合、ビット B23 = 0)
- 1 読み取りまたは書き込みビット、W (ビット B22、書き込み = 0、読み取り = 1)
- 6 アドレスビット、A (ビット B21~B16)
- 16 データビット、D (ビット B15~B0)読み取り動作では、これらのビットは通常ヌル値に設定されます。書き込み動作では、アドレス指定されたレジスタのデータ値がこれらのビットに設定されます。

表 7-41. SDI 入力データワードのフォーマット

ビット	R/W		アドレス						データ															
	B23	B22	B21	B20	B19	B18	B17	B16	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
データ	0	W0	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

SDO 出力データワードは 24 ビット長で、最初の 8 ビットが IC ステータス レジスタを構成します。レポートワードはアクセス中のレジスタの内容です。

書き込みコマンド (W0 = 0) の場合、応答ワードは、フォルト ステータス表示ビットと、書き込まれるレジスタの既存データの後に続きます。

読み取りコマンド (W0 = 1) の場合、応答ワードはフォルト ステータス表示ビットとそれに続く、読み取り中のレジスタ内のデータで構成されます。

表 7-42. SDO 出力データ ワードのフォーマット

ビット	IC のステータス								レポート							
	B23	B22	B21	B20	B19	B18	B17	B16	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8
データ	1	1	フォルト	WARN	OV_U V	DRV	OTSD	SPI_E RR	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
									D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

- 故障 - デバイス故障の「OR」(グローバルまたはドライバ)
- 警告 - デバイスの警告の「OR」
- OV_UV - PVDD、VCP の過電圧および低電圧ステータスの「OR」
- DRV - ドライバの故障の「OR」
- OTSD - 過熱シャットダウンが発生するときに設定
- SPI_ERR - 受信された SCLK 数が正しくないときに設定

7.5.3 タイミング図

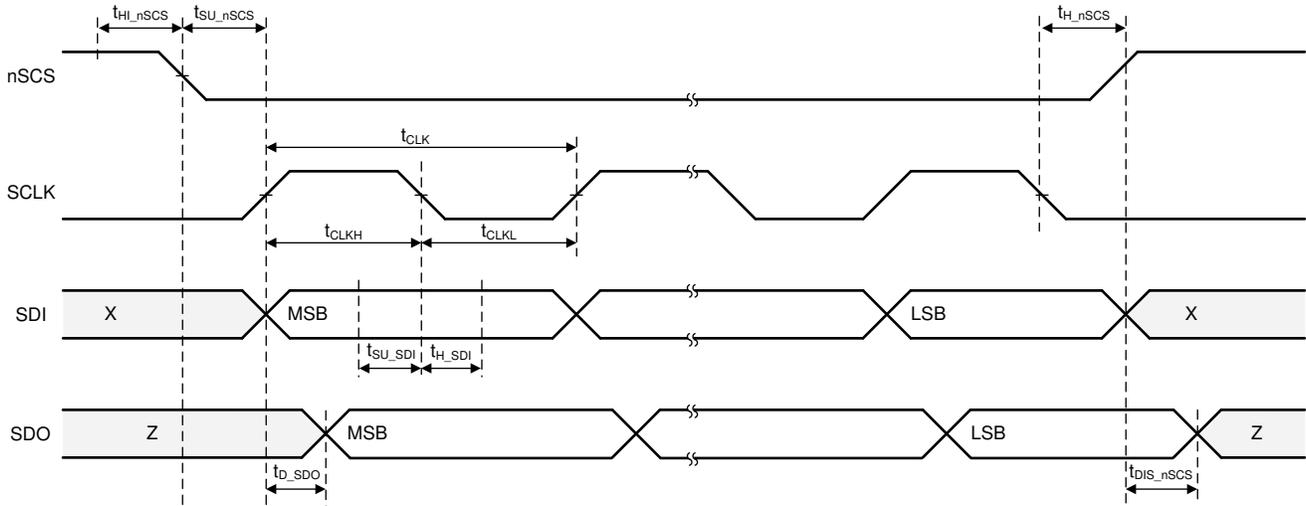


図 7-21. SPI タイミング図

8 DRV8001-Q1 レジスタ マップ

表 8-2 は、DRV8001-Q1 のメモリ マップトレジスタを一覧表示します。記載されていないレジスタ アドレスはすべて予約領域とみなされ、レジスタの内容は変更できません。予約済み位置の説明は、あくまでも参照目的で提供されています。デバイス ID 表は、DRV800x デバイスのデバイス ID をまとめたものです。

表 8-1. デバイス ID サマリー

デバイス	デバイス ID
DRV8000-Q1	レジスタ アドレス 0x8h、DEVICE_ID = 0x02
DRV8001-Q1	レジスタ アドレス 0x8h、DEVICE_ID = 0x12
DRV8002-Q1	レジスタ アドレス 0x8h、DEVICE_ID = 0x22

表 8-2. DRV8001-Q1 レジスタ マップ

名称	15	14	13	12	11	10	9	8	タイプ	アドレス
	7	6	5	4	3	2	1	0		
IC_STAT1	SPI_OK	POR	故障	WARN	RSVD	HB	EC_HEAT	HS	R	00h
	PVDD_UV	PVDD_OV_22V	VCP_UV	OTW	OTSD	WD_FLT	ITRIP	PVDD_OV_28V		
IC_STAT2	DEVICE_ERR	RSVD	SCLK_FLT	RSVD	ZONE4_OTSD	ZONE3_OTSD	ZONE2_OTSD	ZONE1_OTSD	R	01h
	ZONE4_OTW_H	ZONE3_OTW_H	ZONE2_OTW_H	ZONE1_OTW_H	ZONE4_OTW_L	ZONE3_OTW_L	ZONE2_OTW_L	ZONE1_OTW_L		
RSVD									R	02h
HB_STAT1	RSVD		OUT6_LS_OCP	OUT5_LS_OCP	OUT4_LS_OCP	OUT3_LS_OCP	OUT2_LS_OCP	OUT1_LS_OCP	R	03h
	RSVD		OUT6_HS_OCP	OUT5_HS_OCP	OUT4_HS_OCP	OUT3_HS_OCP	OUT2_HS_OCP	OUT1_HS_OCP		
HB_STAT2	RSVD			HB_OLP_STAT	OUT6_LS_OLA	OUT5_LS_OLA	OUT4_LS_OLA	OUT3_LS_OLA	R	04h
	OUT2_LS_OLA	OUT1_LS_OLA	OUT6_HS_OLA	OUT5_HS_OLA	OUT4_HS_OLA	OUT3_HS_OLA	OUT2_HS_OLA	OUT1_HS_OLA		
EC_HEAT_ITRIP_STAT	ECFB_DIAG_STAT	ECFB_OV	ECFB_HI	ECFB_LO	ECFB_OC	ECFB_OL	HEAT_OL	HEAT_VDS	R	05h
	RSVD	OUT7_ITRIP_STAT	OUT6_ITRIP_STAT	OUT5_ITRIP_STAT	OUT4_ITRIP_STAT	OUT3_ITRIP_STAT	OUT2_ITRIP_STAT	OUT1_ITRIP_STAT		
HS_STAT	RSVD		OUT12_OLA	OUT11_OLA	OUT10_OLA	OUT9_OLA	OUT8_OLA	OUT7_OLA	R	06h
	RSVD		OUT12_OCP	OUT11_OCP	OUT10_OCP	OUT9_OCP	OUT8_OCP	OUT7_OCP		
HS_ITRIP_STAT	RSVD								R	07h
	RSVD	ECFB_LS_ITRIP_STAT	RSVD	OUT12_ITRIP_STAT	OUT11_ITRIP_STAT	OUT10_ITRIP_STAT	OUT9_ITRIP_STAT	OUT8_ITRIP_STAT		
SPARE_STAT2	RSVD								R	08h
	DEV_ID									
IC_CNFG1	OTSD_MODE	DIS_CP	RSVD	PVDD_OV_MOD_E	PVDD_OV_DG		PVDD_OV_LVL	RSVD	R/W	09h
	RSVD		VCP_UV_MODE	PVDD_UV_MOD_E	WD_EN	WD_FLT_M	WD_WIN	EN_SSC		
IC_CNFG2	RSVD								R/W	0Ah
	ZONE4_OTW_H_DIS	ZONE3_OTW_H_DIS	ZONE2_OTW_H_DIS	ZONE1_OTW_H_DIS	ZONE4_OTW_L_DIS	ZONE3_OTW_L_DIS	ZONE2_OTW_L_DIS	ZONE1_OTW_L_DIS		
RSVD	RSVD								R	0Bh ~ 13h
HB_ITRIP_DG	RSVD				OUT6_ITRIP_DG		OUT5_ITRIP_DG		R/W	14h
	OUT4_ITRIP_DG		OUT3_ITRIP_DG		OUT2_ITRIP_DG		OUT1_ITRIP_DG			
HB_OUT_CNFG1	RSVD	NSR_OUT6_DIS	NSR_OUT5_DIS	NSR_OUT4_DIS	NSR_OUT3_DIS	NSR_OUT2_DIS	NSR_OUT1_DIS	IPROPI_SH_EN	R/W	15h
	RSVD		OUT6_CNFG			OUT5_CNFG				
HB_OUT_CNFG2	RSVD		OUT4_CNFG			OUT3_CNFG			R/W	16h
	OUT2_MODE	OUT1_MODE	OUT2_CNFG			OUT1_CNFG				
HB_OCP_CNFG	RSVD				OUT6_OCP_DG		OUT5_OCP_DG		R/W	17h
	OUT4_OCP_DG		OUT3_OCP_DG		OUT2_OCP_DG		OUT1_OCP_DG			
HB_OL_CNFG1	RSVD		HB_OLP_CNFG		HB_OLP_SEL				R/W	18h
	RSVD		OUT6_OLA_EN	OUT5_OLA_EN	OUT4_OLA_EN	OUT3_OLA_EN	OUT2_OLA_EN	OUT1_OLA_EN		
HB_OL_CNFG2	RSVD				OUT6_OLA_TH		OUT5_OLA_TH		R/W	19h
	OUT4_OLA_TH		OUT3_OLA_TH		OUT2_OLA_TH		OUT1_OLA_TH			

表 8-2. DRV8001-Q1 レジスタ マップ (続き)

名称	15	14	13	12	11	10	9	8	タイプ	アドレス		
	7	6	5	4	3	2	1	0				
HB_SR_CNFG	RSVD				OUT6_SR		OUT5_SR		R/W	1Ah		
	OUT4_SR		OUT3_SR		OUT2_SR		OUT1_SR					
HB_ITRIP_CNFG	OUT6_ITRIP_EN	OUT5_ITRIP_EN	OUT4_ITRIP_EN	OUT3_ITRIP_EN	OUT2_ITRIP_EN	OUT1_ITRIP_EN	OUT6_ITRIP_LVL		R/W	1Bh		
	OUT5_ITRIP_LVL		OUT4_ITRIP_LVL		OUT3_ITRIP_LVL		OUT2_ITRIP_LVL	OUT1_ITRIP_LVL				
HB_ITRIP_FREQ	RSVD		HB_TOFF_SEL		OUT6_ITRIP_FREQ		OUT5_ITRIP_FREQ		R/W	1Ch		
	OUT4_ITRIP_FREQ		OUT3_ITRIP_FREQ		OUT2_ITRIP_PWM_FREQ/ PWM_OUT2_FREQ		OUT1_ITRIP_PWM_FREQ/ PWM_OUT1_FREQ					
HS_HEAT_OUT_CNFG	HEAT_CNFG		RSVD		OUT12_CNFG		OUT11_CNFG		R/W	1Dh		
	OUT10_CNFG		OUT9_CNFG		OUT8_CNFG		OUT7_CNFG					
HS_OC_CNFG	RSVD			OUT11_EC_MODE	RSVD					R/W	1Eh	
	RSVD		OUT12_OC_TH	OUT11_OC_TH	OUT10_OC_TH	OUT9_OC_TH	OUT8_OC_TH	OUT7_RDSON_MODE				
HS_OLA_CNFG	RSVD		OUT12_OLA_TH	OUT11_OLA_TH	OUT10_OLA_TH	OUT9_OLA_TH	OUT8_OLA_TH	RSVD	R/W	1Fh		
	RSVD		OUT12_OLA_EN	OUT11_OLA_EN	OUT10_OLA_EN	OUT9_OLA_EN	OUT8_OLA_EN	OUT7_OLA_EN				
HS_REG_CNFG1	RSVD										R/W	20h
	OUT7_ITRIP_EN	RSVD			OUT7_ITRIP_FREQ		OUT7_ITRIP_DG					
HS_REG_CNFG2	RSVD		OUT12_CCM_TO	OUT11_CCM_TO	OUT10_CCM_TO	OUT9_CCM_TO	OUT8_CCM_TO	OUT7_CCM_TO	R/W	21h		
	RSVD		OUT12_CCM_EN	OUT11_CCM_EN	OUT10_CCM_EN	OUT9_CCM_EN	OUT8_CCM_EN	OUT7_CCM_EN				
HS_PWM_FREQ_CNFG	RSVD				PWM_OUT12_FREQ		PWM_OUT11_FREQ			R/W	22h	
	PWM_OUT10_FREQ		PWM_OUT9_FREQ		PWM_OUT8_FREQ		PWM_OUT7_FREQ					
HEAT_CNFG	RSVD				HEAT_VDS_LVL					R/W	23h	
	HEAT_VDS_MODE		HEAT_VDS_BLK		HEAT_VDS_DG		HEAT_OLP_EN	RSVD				
EC_CNFG	ECFB_DIAG		EC_OUT11_OCP_DG		ECFB_SC_RSEL		ECFB_OV_DG			R/W	24h	
	RSVD		ECFB_OV_MODE		EC_FLT_MODE	ECFB_LS_PWM	EC_OLEN	ECFB_MAX				
HS_REG_CNFG3	RSVD										R/W	25h
	RSVD			HS_OUT12_ITRIP_EN	HS_OUT11_ITRIP_EN	HS_OUT10_ITRIP_EN	HS_OUT9_ITRIP_EN	HS_OUT8_ITRIP_EN				
SPARE_CNFG2	RSVD										R/W	26h
OUT1_HS_MODE_DC	RSVD						OUT1_DC			R/W	27h	
	OUT1_DC											
OUT2_HS_MODE_DC	RSVD						OUT2_DC			R/W	28h	
	OUT2_DC											
IC_CTRL	RSVD			IPROP1_SEL						R/W	29h	
	CTRL_LOCK			CNFG_LOCK			WD_RST	CLR_FLT				
HB_CTRL	RSVD				OUT6_CTRL		OUT5_CTRL			R/W	2Ah	
	OUT4_CTRL		OUT3_CTRL		OUT2_CTRL		OUT1_CTRL					
HS_EC_HEAT_CTRL	ECFB_LS_EN	EC_ON	EC_V_TAR						R/W	2Bh		
	HEAT_EN	RSVD	OUT12_EN	OUT11_EN	OUT10_EN	OUT9_EN	OUT8_EN	OUT7_EN				
OUT7_PWM_DC	RSVD						OUT7_DC			R/W	2Ch	
	OUT7_DC											
OUT8_PWM_DC	RSVD						OUT8_DC			R/W	2Dh	
	OUT8_DC											
OUT9_PWM_DC	RSVD						OUT9_DC			R/W	2Eh	
	OUT9_DC											
OUT10_PWM_DC	RSVD						OUT10_DC			R/W	2Fh	
	OUT10_DC											
OUT11_PWM_DC	RSVD						OUT11_DC			R/W	30h	
	OUT11_DC											

表 8-2. DRV8001-Q1 レジスタ マップ (続き)

名称	15	14	13	12	11	10	9	8	タイプ	アドレ ス
	7	6	5	4	3	2	1	0		
OUT12_PWM_DC	RSVD						OUT12_DC		R/W	31h
	OUT12_DC									

8.1 DRV8000-Q1_STATUS レジスタ

DRV8000-Q1_STATUS レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 8-3 に示します。表 8-3 にないレジスタ オフセットアドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。

表 8-3. DRV8000-Q1_STATUS レジスタ

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
0h	IC_STAT1	デバイス ステータス レジスタ 1	セクション 8.1.1
1h	IC_STAT2	デバイス ステータス レジスタ 2	セクション 8.1.2
3h	HB_STAT1	ハーフブリッジの過電流ステータス。	セクション 8.1.3
4h	HB_STAT2	ハーフブリッジの開放負荷ステータス。	セクション 8.1.4
5h	EC_HEAT_ITRIP_STAT	エレクトロクロム、ヒータ、および ITRIP ステータス。	セクション 8.1.5
6h	HS_STAT	ハイサイドドライバ ステータス。	セクション 8.1.6
7h	HS_ITRIP_STAT	エレクトロクロムおよびハイサイド ITRIP ステータス	セクション 8.1.7
8h	SPARE_STAT2	スペア ステータス 2。	セクション 8.1.8

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-4 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。

表 8-4. DRV8000-Q1_STATUS のアクセス タイプ コード

アクセス タイプ	コード	説明
読み取りタイプ		
R	R	読み出し
リセットまたはデフォルト値		
-n		リセット後の値またはデフォルト値

8.1.1 IC_STAT1 レジスタ (オフセット = 0h) [リセット = C000h]

IC_STAT1 を表 8-5 に示します。

概略表に戻ります。

ドライバ、電源電圧、過熱フォルト ステータス用のメイン デバイス ステータス レジスタ。ウォッチドッグおよび ITRIP レギュレーション フォルト ステータスも含まれています。

表 8-5. IC_STAT1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	SPI_OK	R	1h	SPI 通信フォルトが検出されたかどうかを示します。 0b = 直前のフレームにおける SCLK_FLT の 1 つまたは複数。 1b = SPI 障害は検出されていません。
14	POR	R	1h	パワーオンリセット状態を示します。 0b = パワーオンリセット状態は検出されていません。 1b = パワーオンリセット状態が検出されています。
13	故障	R	0h	汎用障害インジケータ。デバイスまたはドライバの障害が発生したことを示します。 0b = 障害なし。 1b = フォルト検出あり。
12	WARN	R	0h	一般的な警告インジケータ。警告が存在することを示します。 0b = 警告なし。 1b = 警告あり。
11	予約済み	R	0h	予約済み
10	HB	R	0h	ハーフブリッジの過電流および開放負荷障害インジケータの論理和。
9	EC_HEAT	R	0h	EC およびヒーターに対する EC OV、過電流、開放負荷フォルト インジケータの論理 OR。
8	HS	R	0h	内蔵ハイサイドドライバに対する過電流、短絡、および開放負荷フォルトインジケータの論理 OR。
7	PVDD_UV	R	0h	PVDD ピンの低電圧障害を示します。
6	PVDD_OV_22V	R	0h	PVDD ピンで 22V を超える過電圧故障を示します。
5	VCP_UV	R	0h	VCP ピンの低電圧障害を示します。
4	OTW	R	0h	過熱警告を示します。
3	OTSD	R	0h	過熱シャットダウンを示します。
2	WD_FLT	R	0h	ウォッチドッグ タイムアウト フォルトを示します。
1	ITRIP	R	0h	OUTx が ITRIP に移行したときに、ITRIP レギュレーション警告を示します。
0	PVDD_OV_28V	R	0h	PVDD ピンで 28V を超える過電圧故障を示します。

8.1.2 IC_STAT2 レジスタ (オフセット = 1h) [リセット = 0000h]

IC_STAT2 を表 8-6 に示します。

概略表に戻ります。

SPI フォルトおよび特定のサーマル クラスタ フォルト / 警告ステータスを備えた 2 番目のデバイス ステータス レジスタ。

表 8-6. IC_STAT2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	DEVICE_ERR	R	0h	デバイスの OTP メモリ エラーが発生したことを示します。
14	予約済み	R	0h	予約済み
13	SCLK_FLT	R	0h	トランザクション フレーム内の SCLK パルス数が 24 ビット (1 バイトのアドレスと 2 バイトのデータ) と一致しない場合、SPI クロック (フレーム) フォルトを示します。ビット SPI_ERR で報告されます。
12	予約済み	R	0h	予約済み
11	ZONE4_OTSD	R	0h	ゾーン 4 で過熱シャットダウンが発生したことを示します。
10	ZONE3_OTSD	R	0h	ゾーン 3 で過熱シャットダウンが発生したことを示します。
9	ZONE2_OTSD	R	0h	ゾーン 2 で過熱シャットダウンが発生したことを示します。
8	ZONE1_OTSD	R	0h	ゾーン 1 で過熱シャットダウンが発生したことを示します。
7	ZONE4_OTW_H	R	0h	ゾーン 4 で高温警告 (145°C を上回る) が発生したことを示します。
6	ZONE3_OTW_H	R	0h	ゾーン 3 で高温警告 (145°C を上回る) が発生したことを示します。
5	ZONE2_OTW_H	R	0h	ゾーン 2 で高温警告 (145°C を上回る) が発生したことを示します。
4	ZONE1_OTW_H	R	0h	ゾーン 1 で高温警告 (145°C を上回る) が発生したことを示します。
3	ZONE4_OTW_L	R	0h	ゾーン 4 で低温警告 (125°C を上回る) が発生したことを示します。
2	ZONE3_OTW_L	R	0h	ゾーン 3 で低温警告 (125°C を上回る) が発生したことを示します。
1	ZONE2_OTW_L	R	0h	ゾーン 2 で低温警告 (125°C を上回る) が発生したことを示します。
0	ZONE1_OTW_L	R	0h	ゾーン 1 で低温警告 (125°C を上回る) が発生したことを示します。

8.1.3 HB_STAT1 レジスタ (オフセット = 3h) [リセット = 0000h]

HB_STAT1 を表 8-7 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

各ハーフブリッジのハイサイドまたはローサイドのハーフブリッジ過電流フォルト。

表 8-7. HB_STAT1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R	0h	予約済み
14	予約済み	R	0h	予約済み
13	OUT6_LS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT6 のローサイドで過電流エラーが発生していることを示します。
12	OUT5_LS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT5 のローサイドで過電流エラーが発生していることを示します。
11	OUT4_LS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT4 のローサイドで過電流エラーが発生していることを示します。
10	OUT3_LS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT3 のローサイドで過電流エラーが発生していることを示します。
9	OUT2_LS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT2 のローサイドで過電流エラーが発生していることを示します。
8	OUT1_LS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT1 のローサイドで過電流エラーが発生していることを示します。
7	予約済み	R	0h	予約済み
6	予約済み	R	0h	予約済み
5	OUT6_HS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT6 のハイサイドでの過電流フォルトを示します。
4	OUT5_HS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT5 のハイサイドでの過電流フォルトを示します。
3	OUT4_HS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT4 のハイサイドでの過電流フォルトを示します。
2	OUT3_HS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT3 のハイサイドでの過電流フォルトを示します。
1	OUT2_HS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT2 のハイサイドでの過電流フォルトを示します。
0	OUT1_HS_OCP	R	0h	ハーフブリッジ OUT1 のハイサイドでの過電流フォルトを示します。

8.1.4 HB_STAT2 レジスタ (オフセット = 4h) [リセット = 0000h]

HB_STAT2 を表 8-8 に示します。

概略表に戻ります。

ハーフブリッジのアクティブおよびオフ状態の開放負荷フォルト。

表 8-8. HB_STAT2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R	0h	予約済み
14	予約済み	R	0h	予約済み
13	予約済み	R	0h	予約済み
12	HB_OLP_STAT	R	0h	内蔵ハーフブリッジ OLP ステータスを示します。
11	OUT6_LS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT6 のローサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
10	OUT5_LS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT5 のローサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
9	OUT4_LS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT4 のローサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
8	OUT3_LS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT3 のローサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
7	OUT2_LS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT2 のローサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
6	OUT1_LS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT1 のローサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
5	OUT6_HS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT6 のハイサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
4	OUT5_HS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT5 のハイサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
3	OUT4_HS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT4 のハイサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
2	OUT3_HS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT3 のハイサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
1	OUT2_HS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT2 のハイサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。
0	OUT1_HS_OLA	R	0h	ハーフブリッジ OUT1 のハイサイドでアクティブな開放負荷フォルトを示します。

8.1.5 EC_HEAT_ITRIP_STAT レジスタ (オフセット = 5h) [リセット = 0000h]

EC_HEAT_ITRIP_STAT を表 8-9 に示します。

概略表に戻ります。

エレクトロクロムおよびヒータドライバのすべての故障および警告を含みます。ITRIP レギュレーション ステータス警告も含まれています。

表 8-9. EC_HEAT_ITRIP_STAT レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	ECFB_DIAG_STAT	R	0h	ECFB_DIAG = 0x01 のとき、ECFB_SC フォルトが存在することを示します。 ECFB_DIAG = 10b の場合の ECFB OLP フォルトを示します。
14	ECFB_OV	R	0h	ECFB ピンの過電圧 (バッテリーへの短絡) フォルトを示します。
13	ECFB_HI	R	0h	ECFB ピンにおけるレギュレーション過電圧障害を示します。
12	ECFB_LO	R	0h	ECFB ピンのレギュレーション低電圧故障を示します。
11	ECFB_OC	R	0h	ECFB ピンの過電流故障を示します。
10	ECFB_OL	R	0h	ECFB ピンの開放負荷検出を示します。
9	HEAT_OL	R	0h	SH_HS ピンの開放負荷障害を示します。
8	HEAT_VDS	R	0h	ヒータ MOSFET の過電流障害を示します。
7	予約済み	R	0h	予約済み
6	OUT7_ITRIP_STAT	R	0h	OUT7 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
5	OUT6_ITRIP_STAT	R	0h	OUT6 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
4	OUT5_ITRIP_STAT	R	0h	OUT5 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
3	OUT4_ITRIP_STAT	R	0h	OUT4 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
2	OUT3_ITRIP_STAT	R	0h	OUT3 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
1	OUT2_ITRIP_STAT	R	0h	OUT2 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
0	OUT1_ITRIP_STAT	R	0h	OUT1 の ITRIP レギュレーション警告を示します。

8.1.6 HS_STAT レジスタ (オフセット = 6h) [リセット = 0000h]

HS_STAT を表 8-10 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバの過電流と開放負荷の障害ステータス。

表 8-10. HS_STAT レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R	0h	予約済み
14	予約済み	R	0h	予約済み
13	OUT12_OLA	R	0h	OUT12 の開放負荷を示します。
12	OUT11_OLA	R	0h	OUT11 の開放負荷を示します。
11	OUT10_OLA	R	0h	OUT10 の開放負荷を示します。
10	OUT9_OLA	R	0h	OUT9 の開放負荷を示します。
9	OUT8_OLA	R	0h	OUT8 の開放負荷を示します。
8	OUT7_OLA	R	0h	OUT7 の開放負荷を示します。
7	予約済み	R	0h	予約済み
6	予約済み	R	0h	予約済み
5	OUT12_OCP	R	0h	OUT12 の過電流障害を示します。
4	OUT11_OCP	R	0h	OUT11 の過電流障害を示します。
3	OUT10_OCP	R	0h	OUT10 の過電流障害を示します。
2	OUT9_OCP	R	0h	OUT9 の過電流障害を示します。
1	OUT8_OCP	R	0h	OUT8 の過電流障害を示します。
0	OUT7_OCP	R	0h	OUT7 の過電流障害を示します。

8.1.7 HS_ITRIP_STAT レジスタ (オフセット = 7h) [リセット = 0000h]

表 8-11 に、HS_ITRIP_STAT を示します。

概略表に戻ります。

エレクトロクロムおよびハイサイド ITRIP ステータスレジスタを含みます。

表 8-11. HS_ITRIP_STAT レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R	0h	予約済み
14	予約済み	R	0h	予約済み
13	予約済み	R	0h	予約済み
12	予約済み	R	0h	予約済み
11	予約済み	R	0h	予約済み
10	予約済み	R	0h	予約済み
9	予約済み	R	0h	予約済み
8	予約済み	R	0h	予約済み
7	予約済み	R	0h	予約済み
6	ECFB_LS_ITRIP_STAT	R	0h	ECFB_LS_ITRIP が発生したかどうかを示します。 CLR_FLT でのみクリアされます。
5	予約済み	R	0h	予約済み
4	OUT12_ITRIP_STAT	R	0h	OUT12 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
3	OUT11_ITRIP_STAT	R	0h	OUT11 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
2	OUT10_ITRIP_STAT	R	0h	OUT10 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
1	OUT9_ITRIP_STAT	R	0h	OUT9 の ITRIP レギュレーション警告を示します。
0	OUT8_ITRIP_STAT	R	0h	OUT8 の ITRIP レギュレーション警告を示します。

8.1.8 SPARE_STAT2 レジスタ (オフセット = 8h) [リセット = 0000h]

SPARE_STAT2 を表 8-12 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

スペア ステータス レジスタ。

表 8-12. SPARE_STAT2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R	0h	予約済み
14	予約済み	R	0h	予約済み
13	予約済み	R	0h	予約済み
12	予約済み	R	0h	予約済み
11	予約済み	R	0h	予約済み
10	予約済み	R	0h	予約済み
9	予約済み	R	0h	予約済み
8	予約済み	R	0h	予約済み
7-0	DEV_ID	R	0h	0x02= DRV8000 0x21= DRV8001 0x22= DRV8002

8.2 DRV8000-Q1_CNFG レジスタ

DRV8000-Q1_CNFG レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 8-13 に示します。表 8-13 にないレジスタ オフセットアドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。

表 8-13. DRV8000-Q1_CNFG レジスタ

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
9h	IC_CNFG1	IC 構成レジスタ 1	セクション 8.2.1
Ah	IC_CNFG2	IC 構成レジスタ 2	セクション 8.2.2
14h	HB_ITRIP_DG	ハーフブリッジ ITRIP グリッチ除去構成レジスタ 2。	セクション 8.2.3
15h	HB_OUT_CNFG1	ハーフブリッジ出力 5 および 6 構成レジスタ。	セクション 8.2.4
16h	HB_OUT_CNFG2	ハーフブリッジ出力 1-4 構成レジスタ。	セクション 8.2.5
17h	HB_OCP_CNFG	ハーフブリッジ過電流グリッチ除去構成レジスタ。	セクション 8.2.6
18h	HB_OL_CNFG1	ハーフブリッジ アクティブおよびパッシブ オープンロード イネーブルレジスタ	セクション 8.2.7
19h	HB_OL_CNFG2	ハーフブリッジ アクティブ オープンロードしきい値選択レジスタ。	セクション 8.2.8
1Ah	HB_SR_CNFG	ハーフブリッジ スルーレート設定レジスタ。	セクション 8.2.9
1Bh	HB_ITRIP_CNFG	ハーフブリッジ ITRIP 構成レジスタ 1。	セクション 8.2.10
1Ch	HB_ITRIP_FREQ	ハーフブリッジ ITRIP 周波数構成レジスタ 2。	セクション 8.2.11
1Dh	HS_HEAT_OUT_CNFG	ハイサイドおよびヒータドライバ出力構成レジスタ。	セクション 8.2.12
1Eh	HS_OC_CNFG	ハイサイドドライバ過電流スレッシュホールド構成レジスタ。	セクション 8.2.13
1Fh	HS_OL_CNFG	ハイサイドドライバ開放負荷スレッシュホールド構成レジスタ。	セクション 8.2.14
20h	HS_REG_CNFG1	ハイサイドドライバのレギュレーション構成レジスタ。	セクション 8.2.15
21h	HS_REG_CNFG2	ハイサイドドライバのレギュレーション構成レジスタ。	セクション 8.2.16
22h	HS_PWM_FREQ_CNFG	ハイサイドドライバ PWM ジェネレータ周波数構成レジスタ。	セクション 8.2.17
23h	HEAT_CNFG	ヒータコン構成レジスタ。	セクション 8.2.18
24h	EC_CNFG	エレクトロクロミック構成レジスタ。	セクション 8.2.19
25h	HS_REG_CNFG3	ハイサイドドライバのレギュレーション構成レジスタ。	セクション 8.2.20
26h	SPARE_CNFG2	予備構成	セクション 8.2.21
27h	OUT1_HS_MODE_DC	OUT1 のデューティサイクル設定。	セクション 8.2.22
28h	OUT2_HS_MODE_DC	OUT2 のデューティサイクル設定。	セクション 8.2.23

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-14 に、このセクションでアクセスタイプに使用しているコードを示します。

表 8-14. DRV8000-Q1_CNFG のアクセスタイプコード

アクセスタイプ	コード	説明
読み取りタイプ		
R	R	読み出し
書き込みタイプ		
W	W	書き込み
リセットまたはデフォルト値		
-n		リセット後の値またはデフォルト値

8.2.1 IC_CNFG1 レジスタ (オフセット = 9h) [リセット = 0002h]

IC_CNFG1 を表 8-15 に示します。

概略表に戻ります。

チャージ ポンプとウォッチドッグの構成、および電源、チャージ ポンプ、熱、ウォッチドッグの各障害の障害レベルと対応を含みます。

表 8-15. IC_CNFG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	OTSD_MODE	R/W	0h	過熱シャットダウン動作を設定します。サーマル クラスタが OT に達すると、デバイスはすべてのドライバまたは影響を受けるドライバのみ (ゾーン 3 のドライバなど) をシャットダウンします。 0b = グローバル シャットダウン。 1b = 影響を受けるドライバ シャットダウンのみ。
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	RSVD	R	0h	予約済み。
12	PVDD_OV_MODE	R/W	0h	PVDD 電源過電圧監視モード。 0b = ラッチ障害。 1b = 自動復帰。
11-10	PVDD_OV_DG	R/W	0h	PVDD 電源過電圧監視グリッチ除去時間。 00b = 1 μ s 01b = 2 μ s 10b = 4 μ s 11b = 8 μ s
9	PVDD_OV_LVL	R/W	0h	PVDD 電源過電圧監視スレッシュホールド。 0b = 22V 1b = 28V
8	予約済み	R/W	0h	予約済み
7-6	CP_MODE	R/W	0h	チャージ ポンプ動作モード。 00b = 3 倍速と 2 倍速の自動切り替えモード。 01b = 常に倍速モード。 10b = 常に 3 倍速モード。 11b = RSVD
5	VCP_UV_MODE	R/W	0h	VCP チャージ ポンプ低電圧監視モード。 0b = ラッチ障害。 1b = 自動復帰。
4	PVDD_UV_MODE	R/W	0h	PVDD 電源低電圧監視モード。 0b = ラッチ障害。 1b = 自動復帰。
3	WD_EN	R/W	0h	ウォッチドッグ タイマが有効。 0b = ウォッチドッグ タイマが無効。 1b = ウォッチドッグ タイマを有効化。
2	WD_FLT_M	R/W	0h	ウォッチドッグ フォルト モード。ウォッチドッグ フォルトは CLR_FLT によってクリアされます。 0b = ウォッチドッグ フォルトは WD_FLT および WARN レジスタ ビットに通知されます。ドライバーは有効なまま、FAULT ビットはアサートされません。 1b = ウォッチドッグ フォルトは WD_FLT および FAULT レジスタ ビットに通知されます。ウォッチドッグ フォルトにตอบสนองしてすべてのドライバがディセーブルになります。
1	WD_WIN	R/W	1h	ウォッチドッグ タイマ ウィンドウ。 0b = 4 to 12ms 1b = 10 to 100ms

表 8-15. IC_CFG1 レジスタのフィールドの説明 (続き)

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
0	EN_SSC	R/W	0h	スペクトラム拡散クロック。 0b = 無効。 1b = 有効。

8.2.2 IC_CNFG2 レジスタ (オフセット = Ah) [リセット = 0000h]

IC_CNFG2 を表 8-16 に示します。

概略表に戻ります。

サーマル クラスタ警告無効ビットを含みます。

表 8-16. IC_CNFG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9	予約済み	R/W	0h	予約済み
8	予約済み	R/W	0h	予約済み
7	ZONE4_OTW_H_DIS	R/W	0h	ゾーン 4 の過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b
6	ZONE3_OTW_H_DIS	R/W	0h	ゾーン 3 の過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b
5	ZONE2_OTW_H_DIS	R/W	0h	ゾーン 2 の過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b
4	ZONE1_OTW_H_DIS	R/W	0h	ゾーン 1 の過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b
3	ZONE4_OTW_L_DIS	R/W	0h	ゾーン 4 の低過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b
2	ZONE3_OTW_L_DIS	R/W	0h	ゾーン 3 の低過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b
1	ZONE2_OTW_L_DIS	R/W	0h	ゾーン 2 の低過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b
0	ZONE1_OTW_L_DIS	R/W	0h	ゾーン 1 の低過熱警告を無効にします。 有効 = 0b 無効 = 1b

8.2.3 HB_ITRIP_DG レジスタ (オフセット = 14h) [リセット = 0000h]

HB_ITRIP_DG を表 8-17 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

各ハーフブリッジの ITRIP グリッチ除去を設定します。ITRIP タイミングは、ハーフブリッジ ペア間で共有されます。

表 8-17. HB_ITRIP_DG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	OUT6_ITRIP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 の ITRIP グリッチ除去時間を設定します。 00b = 2 μ s 01b = 5 μ s 10b = 10 μ s 11b = 20 μ s
9-8	OUT5_ITRIP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 の ITRIP グリッチ除去時間を設定します。 00b = 2 μ s 01b = 5 μ s 10b = 10 μ s 11b = 20 μ s
7-6	OUT4_ITRIP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 の ITRIP グリッチ除去時間を設定します。 00b = 2 μ s 01b = 5 μ s 10b = 10 μ s 11b = 20 μ s
5-4	OUT3_ITRIP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 の ITRIP グリッチ除去時間を設定します。 00b = 2 μ s 01b = 5 μ s 10b = 10 μ s 11b = 20 μ s
3-2	OUT2_ITRIP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 の ITRIP グリッチ除去時間を設定します。 00b = 2 μ s 01b = 5 μ s 10b = 10 μ s 11b = 20 μ s
1-0	OUT1_ITRIP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 の ITRIP グリッチ除去時間を設定します。 00b = 2 μ s 01b = 5 μ s 10b = 10 μ s 11b = 20 μ s

8.2.4 HB_OUT_CNFG1 レジスタ (オフセット = 15h) [リセット = 0000h]

HB_OUT_CNFG1 を表 8-18 に示します。

概略表に戻ります。

各ハーフブリッジの出力モードを設定し、IPROPI サンプルおよびホールド回路、ハーフブリッジペアのフリーホイールを設定します。

表 8-18. HB_OUT_CNFG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	NSR_OUT6_DIS	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 の ITRIP レギュレーション中に非同期整流を無効にする (アクティブ・フリーホイールを設定)。 パッシブ フリーホイール = 0b アクティブ フリーホイール = 1b
13	NSR_OUT5_DIS	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 の ITRIP レギュレーション中に非同期整流を無効にする (アクティブ・フリーホイールを設定)。 パッシブ フリーホイール = 0b アクティブ フリーホイール = 1b
12	NSR_OUT4_DIS	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 の ITRIP レギュレーション中に非同期整流を無効にする (アクティブ・フリーホイールを設定)。 パッシブ フリーホイール = 0b アクティブ フリーホイール = 1b
11	NSR_OUT3_DIS	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 の ITRIP レギュレーション中に非同期整流を無効にする (アクティブ フリーホイールを設定)。 パッシブ フリーホイール = 0b アクティブ フリーホイール = 1b
10	NSR_OUT2_DIS	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 の ITRIP レギュレーション中に非同期整流を無効にする (アクティブ・フリーホイールを設定)。 パッシブ フリーホイール = 0b アクティブ フリーホイール = 1b
9	NSR_OUT1_DIS	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 の ITRIP レギュレーション中に非同期整流を無効にする (アクティブ・フリーホイールを設定)。 パッシブ フリーホイール = 0b アクティブ フリーホイール = 1b
8	IPROPI_SH_EN	R/W	0h	IPROPI サンプル/ホールド回路をイネーブルします。
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5-3	OUT6_CNFG	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 の設定。 ハーフブリッジの制御を有効または無効にし、PWM と SPI の間で制御モードを設定します。 000b = ディスエーブル 001b = イネーブル (SPI レジスタ制御) 010b = PWM1 相補制御 011b = PWM1 LS 制御 100b = PWM1 HS 制御 101b = PWM2 相補制御 110b = PWM2 LS 制御 111b = PWM2 HS 制御

表 8-18. HB_OUT_CNFG1 レジスタのフィールドの説明 (続き)

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
2-0	OUT5_CNFG	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 の設定。 ハーフブリッジの制御を有効または無効にし、PWM と SPI の間で制御モードを設定します。 000b = デイスエーブル 001b = イネーブル (SPI レジスタ制御) 010b = PWM1 相補制御 011b = PWM1 LS 制御 100b = PWM1 HS 制御 101b = PWM2 相補制御 110b = PWM2 LS 制御 111b = PWM2 HS 制御

8.2.5 HB_OUT_CNFG2 レジスタ (オフセット = 16h) [リセット = 0000h]

HB_OUT_CNFG2 を表 8-19 に示します。

概略表に戻ります。

各ハーフブリッジの出力モードを設定します。

表 8-19. HB_OUT_CNFG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13-11	OUT4_CNFG	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 の設定。 ハーフブリッジの制御を有効または無効にし、PWM と SPI の間で制御モードを設定します。 000b = デイスエーブル 001b = イネーブル (SPI レジスタ制御) 010b = PWM1 相補制御 011b = PWM1 LS 制御 100b = PWM1 HS 制御 101b = PWM2 相補制御 110b = PWM2 LS 制御 111b = PWM2 HS 制御
10-8	OUT3_CNFG	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 の設定。 ハーフブリッジの制御を有効または無効にし、PWM と SPI の間で制御モードを設定します。 000b = デイスエーブル 001b = イネーブル (SPI レジスタ制御) 010b = PWM1 相補制御 011b = PWM1 LS 制御 100b = PWM1 HS 制御 101b = PWM2 相補制御 110b = PWM2 LS 制御 111b = PWM2 HS 制御
7	OUT2_MODE	R/W	0h	OUT2 を内部 PWM を用いたハイサイドドライバとして有効化するビット。 OUT2_CNFG はドライバの有効化および無効化に使用されます PWM 設定 - Freq: PWM_OUT2_FREQ, DC: OUT2_DC の詳細を示します。
6	OUT1_MODE	R/W	0h	OUT1 を内部 PWM を用いたハイサイドドライバとして有効化するビット。 OUT1_CNFG はドライバの有効化および無効化に使用されます PWM 設定 - Freq: PWM_OUT1_FREQ, DC: OUT1_DC の詳細を示します。
5-3	OUT2_CNFG	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 の設定。 ハーフブリッジの制御を有効または無効にし、PWM と SPI の間で制御モードを設定します。 000b = デイスエーブル 001b = イネーブル (SPI レジスタ制御) 010b = PWM1 相補制御 011b = PWM1 LS 制御 100b = PWM1 HS 制御 101b = PWM2 相補制御 110b = PWM2 LS 制御 111b = PWM2 HS 制御

表 8-19. HB_OUT_CNFG2 レジスタのフィールドの説明 (続き)

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
2-0	OUT1_CNFG	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 の設定。 ハーフブリッジの制御を有効または無効にし、PWM と SPI の間で制御モードを設定します。 000b = デイスエーブル 001b = イネーブル (SPI レジスタ制御) 010b = PWM1 相補制御 011b = PWM1 LS 制御 100b = PWM1 HS 制御 101b = PWM2 相補制御 110b = PWM2 LS 制御 111b = PWM2 HS 制御

8.2.6 HB_OCP_CNFG レジスタ (オフセット = 17h) [リセット = 0000h]

HB_OCP_CNFG を表 8-20 に示します。

概略表に戻ります。

ハーフブリッジ構成レジスタの過電流グリッチ除去。

表 8-20. HB_OCP_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	OUT6_OCP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 の過電流グリッチ除去時間。 00b = 6 μ s 01b = 10 μ s 10b = 15 μ s 11b = 60 μ s
9-8	OUT5_OCP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 の過電流グリッチ除去時間。 00b = 6 μ s 01b = 10 μ s 10b = 15 μ s 11b = 60 μ s
7-6	OUT4_OCP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 の過電流グリッチ除去時間。 00b = 6 μ s 01b = 10 μ s 10b = 15 μ s 11b = 60 μ s
5-4	OUT3_OCP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 の過電流グリッチ除去時間。 00b = 6 μ s 01b = 10 μ s 10b = 15 μ s 11b = 60 μ s
3-2	OUT2_OCP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 の過電流グリッチ除去時間。 00b = 6 μ s 01b = 10 μ s 10b = 15 μ s 11b = 60 μ s
1-0	OUT1_OCP_DG	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 の過電流グリッチ除去時間。 00b = 6 μ s 01b = 10 μ s 10b = 15 μ s 11b = 60 μ s

8.2.7 HB_OL_CNFG1 レジスタ (オフセット = 18h) [リセット = 0000h]

HB_OL_CNFG1 を表 8-21 に示します。

概略表に戻ります。

ハーフブリッジのアクティブおよびオフ状態の開放負荷検出回路を構成します。

表 8-21. HB_OL_CNFG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13-12	HB_OLP_CNFG	R/W	0h	オフ状態診断構成。 00b = オフ状態無効 01b = OUT X プルアップ有効、OUT Y プルダウン有効、OUT Y 選択、VREF Low 10b = OUT X プルダウン有効、OUT Y プルダウン有効、OUT X 選択、VREF High 11b = OUT X プルダウン有効、OUT Y プルダウン有効、OUT Y 選択、VREF Low
11-8	HB_OLP_SEL	R/W	0h	ハーフブリッジのオフ状態開放負荷診断イネーブル。 0000b = デイスエーブル 0001b = OUT1 および OUT2 0010b = OUT1 および OUT3 0011b = OUT1 および OUT4 0100b = OUT1 および OUT5 0101b = OUT1 および OUT6 0110b = OUT2 および OUT3 0111b = OUT2 および OUT4 1000b = OUT2 および OUT5 1001b = OUT2 および OUT6 1010b = OUT3 および OUT4 1011b = OUT3 および OUT5 1100b = OUT3 および OUT6 1101b = OUT4 および OUT5 1110b = OUT4 および OUT6 1111b = OUT5 および OUT6
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	OUT6_OLA_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 のアクティブ開放負荷診断イネーブル。 0b = デイスエーブル 1b = イネーブル
4	OUT5_OLA_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 のアクティブ開放負荷診断イネーブル。 0b = デイスエーブル 1b = イネーブル
3	OUT4_OLA_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 のアクティブ開放負荷診断イネーブル。 0b = デイスエーブル 1b = イネーブル
2	OUT3_OLA_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 のアクティブ開放負荷診断イネーブル。 0b = デイスエーブル 1b = イネーブル
1	OUT2_OLA_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 のアクティブ開放負荷診断イネーブル。 0b = デイスエーブル 1b = イネーブル
0	OUT1_OLA_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 のアクティブ開放負荷診断イネーブル。 0b = デイスエーブル 1b = イネーブル

8.2.8 HB_OL_CNFG2 レジスタ (オフセット = 19h) [リセット = 0000h]

HB_OL_CNFG2 を表 8-22 に示します。

概略表に戻ります。

ハーフブリッジのアクティブ開放負荷検出回路のサイクル数スレッシュホールドを設定します。

表 8-22. HB_OL_CNFG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	OUT6_OLA_TH	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 のアクティブ開放負荷サイクル カウント スレッシュホールドを設定します。 0b = 32 サイクル 1b = 128 サイクル 10b ~ 512 サイクル 11b ~ 1024 サイクル
9-8	OUT5_OLA_TH	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 のアクティブ開放負荷サイクル カウント スレッシュホールドを設定します。 0b = 32 サイクル 1b = 128 サイクル 10b ~ 512 サイクル 11b ~ 1024 サイクル
7-6	OUT4_OLA_TH	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 のアクティブ開放負荷サイクル カウント スレッシュホールドを設定します。 0b = 32 サイクル 1b = 128 サイクル 10b ~ 512 サイクル 11b ~ 1024 サイクル
5-4	OUT3_OLA_TH	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 のアクティブ開放負荷サイクル カウント スレッシュホールドを設定します。 0b = 32 サイクル 1b = 128 サイクル 10b ~ 512 サイクル 11b ~ 1024 サイクル
3-2	OUT2_OLA_TH	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 のアクティブ開放負荷サイクル カウント スレッシュホールドを設定します。 0b = 32 サイクル 1b = 128 サイクル 10b ~ 512 サイクル 11b ~ 1024 サイクル
1-0	OUT1_OLA_TH	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 のアクティブ開放負荷サイクル カウント スレッシュホールドを設定します。 0b = 32 サイクル 1b = 128 サイクル 10b ~ 512 サイクル 11b ~ 1024 サイクル

8.2.9 HB_SR_CNFG レジスタ (オフセット = 1Ah) [リセット = 0000h]

HB_SR_CNFG を表 8-23 に示します。

概略表に戻ります。

各ハーフブリッジのスルー レート タイミングを設定します。

表 8-23. HB_SR_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	OUT6_SR	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 のスルー レートを設定します。 00b = 1.6V/μs 01b = 13.5V/μs 10b = 24V/μs
9-8	OUT5_SR	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 のスルー レートを設定します。 00b = 1.6V/μs 01b = 13.5V/μs 10b = 24V/μs
7-6	OUT4_SR	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 のスルー レートを設定します。 00b = 1.6V/μs 01b = 13.5V/μs 10b = 24V/μs
5-4	OUT3_SR	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 のスルー レートを設定します。 00b = 1.6V/μs 01b = 13.5V/μs 10b = 24V/μs
3-2	OUT2_SR	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 のスルー レートを設定します。 00b = 1.6V/μs 01b = 13.5V/μs 10b = 24V/μs
1-0	OUT1_SR	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 のスルー レートを設定します。 00b = 1.6V/μs 01b = 13.5V/μs 10b = 24V/μs

8.2.10 HB_ITRIP_CNFG レジスタ (オフセット = 1Bh) [リセット = 0000h]

HB_ITRIP_CNFG を表 8-24 に示します。

概略表に戻ります。

ITRIP レベルを設定し、各ハーフブリッジの ITRIP をイネーブルにします。ITRIP レベルは、ハーフブリッジペア間で共有されます。

表 8-24. HB_ITRIP_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	OUT6_ITRIP_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 の ITRIP レギュレーションをイネーブルにします。
14	OUT5_ITRIP_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 の ITRIP レギュレーションをイネーブルにします。
13	OUT4_ITRIP_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 の ITRIP レギュレーションをイネーブルにします。
12	OUT3_ITRIP_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 の ITRIP レギュレーションをイネーブルにします。
11	OUT2_ITRIP_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 の ITRIP レギュレーションをイネーブルにします。
10	OUT1_ITRIP_EN	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 の ITRIP レギュレーションをイネーブルにします。
9-8	OUT6_ITRIP_LVL	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 の ITRIP 電流スレッショルド レベルを設定します。 00b = 2.3A 01b = 5.4A 10b = 6.2A 11b = 予約済み。
7-6	OUT5_ITRIP_LVL	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 の ITRIP 電流スレッショルド レベルを設定します。 00b = 2.9A 01b = 6.6A 10b = 7.6A 11b = 予約済み。
5-4	OUT4_ITRIP_LVL	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 の ITRIP 電流スレッショルド レベルを設定します。 00b = 1.3A 01b = 2.5A 10b = 3.4A 11b = 予約済み。
3-2	OUT3_ITRIP_LVL	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 の ITRIP 電流スレッショルド レベルを設定します。 00b = 1.3A 01b = 2.5A 10b = 3.4A 11b = 予約済み。
1	OUT2_ITRIP_LVL	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 の ITRIP 電流スレッショルド レベルを設定します。 0b = 0.7A 1b = 0.875A
0	OUT1_ITRIP_LVL	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 の ITRIP 電流スレッショルド レベルを設定します。 0b = 0.7A 1b = 0.875A

8.2.11 HB_ITRIP_FREQ レジスタ (オフセット = 1Ch) [リセット = 0000h]

HB_ITRIP_FREQ を表 8-25 に示します。

概略表に戻ります。

各ハーフブリッジの ITRIP 周波数とグリッチ除去を設定します。ITRIP タイミングは、ハーフブリッジ ペア間で共有されま

表 8-25. HB_ITRIP_FREQ レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13-12	HB_TOFF_SEL	R/W	0h	OUT1 ~ 6 ハーフブリッジドライバの Toff の選択。ここで、T は OUTx_ITRIP_FREQ によって決定されます。 00b - ゼロ、無効 01b - Toff = T/2 10b - Toff = T/4 11b - Toff = T
11-10	OUT6_ITRIP_FREQ	R/W	0h	ハーフブリッジ 6 の ITRIP レギュレーション周波数を設定します。 00b = 20kHz 01b = 10kHz 10b = 5kHz 11b = 2.5kHz
9-8	OUT5_ITRIP_FREQ	R/W	0h	ハーフブリッジ 5 の ITRIP レギュレーション周波数を設定します。 00b = 20kHz 01b = 10kHz 10b = 5kHz 11b = 2.5kHz
7-6	OUT4_ITRIP_FREQ	R/W	0h	ハーフブリッジ 4 の ITRIP レギュレーション周波数を設定します。00b = 20kHz 01b = 10kHz 10b = 5kHz 11b = 2.5kHz
5-4	OUT3_ITRIP_FREQ	R/W	0h	ハーフブリッジ 3 の ITRIP レギュレーション周波数を設定します。 00b = 20kHz 01b = 10kHz 10b = 5kHz 11b = 2.5kHz
3-2	OUT2_ITRIP_FREQ/ PWM_OUT2_FREQ	R/W	0h	ハーフブリッジ 2 の ITRIP レギュレーション周波数を設定します。 00b = 20kHz 01b = 10kHz 10b = 5kHz 11b = 2.5kHz OUT2_MODE = 1 のとき、PWM FREQ 設定 PWM_OUT2_FREQ に使 用されます: 00b - 108Hz 01b - 217Hz 10b - 289Hz 11b - 434Hz
1-0	OUT1_ITRIP_FREQ/ PWM_OUT1_FREQ	R/W	0h	ハーフブリッジ 1 の ITRIP レギュレーション周波数を設定します。 00b = 20kHz 01b = 10kHz 10b = 5kHz 11b = 2.5kHz OUT1_MODE = 1 のとき、PWM FREQ 設定 PWM_OUT1_FREQ に使 用されます: 00b - 108Hz 01b - 217Hz 10b - 289Hz 11b - 434Hz

8.2.12 HS_HEAT_OUT_CNFG レジスタ (オフセット = 1Dh) [リセット = 0000h]

HS_HEAT_OUT_CNFG を表 8-26 に示します。

概略表に戻ります。

各ハイサイドドライバとヒーターの出力モードを構成します。

表 8-26. HS_HEAT_OUT_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15-14	HEAT_CNFG	R/W	0h	ヒータドライバの構成。ヒータの制御を有効または無効にし、PWM または SPI の間で制御モードを設定します。 00b = ディスエーブル 01b = SPI 制御イネーブル 10b = PWM1 ピン制御 11b = 予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	OUT12_CNFG	R/W	0h	ハイサイドドライバの構成 12。ハイサイドドライバの制御を有効化または無効化し、PWM または SPI の間で制御モードを設定します。 00b = ディセーブル 01b = SPI 制御イネーブル 10b = PWM ピン制御 11b = PWM ジェネレータ
9-8	OUT11_CNFG	R/W	0h	ハイサイドドライバの構成 11。ハイサイドドライバの制御を有効化または無効化し、PWM または SPI の間で制御モードを設定します。 00b = ディセーブル 01b = SPI 制御イネーブル 10b = PWM ピン制御 11b = PWM ジェネレータ
7-6	OUT10_CNFG	R/W	0h	ハイサイドドライバの構成 10。ハイサイドドライバの制御を有効化または無効化し、PWM または SPI の間で制御モードを設定します。 00b = ディセーブル 01b = SPI 制御イネーブル 10b = PWM ピン制御 11b = PWM ジェネレータ
5-4	OUT9_CNFG	R/W	0h	ハイサイドドライバの構成 9。ハイサイドドライバの制御を有効化または無効化し、PWM または SPI の間で制御モードを設定します。 00b = ディセーブル 01b = SPI 制御イネーブル 10b = PWM ピン制御 11b = PWM ジェネレータ
3-2	OUT8_CNFG	R/W	0h	ハイサイドドライバの構成 8。ハイサイドドライバの制御を有効化または無効化し、PWM または SPI の間で制御モードを設定します。 00b = ディセーブル 01b = SPI 制御イネーブル 10b = PWM ピン制御 11b = PWM ジェネレータ
1-0	OUT7_CNFG	R/W	0h	ハイサイドドライバの構成 7。ハイサイドドライバの制御を有効化または無効化し、PWM または SPI の間で制御モードを設定します。 00b = ディセーブル 01b = SPI 制御イネーブル 10b = PWM ピン制御 11b = PWM ジェネレータ

8.2.13 HS_OC_CNFG レジスタ (オフセット = 1Eh) [リセット = 1000h]

HS_OC_CNFG を表 8-27 に示します。

概略表に戻ります。

各ハイサイドドライバの過電流スレッシュホールドを設定します。

表 8-27. HS_OC_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	OUT11_EC_MODE	R/W	1h	このビットは、ハイサイド OUT11 を OUT11_CNFG ビットによる独立制御用、またはエレクトロクロミックドライバへの電源供給用に設定します。 0b = OUT11 は独立したハイサイドドライバとして構成されています。EC FET のドレインは PVDD に接続 1b = OUT11 は EC FET の電源として構成
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9	予約済み	R/W	0h	予約済み
8	予約済み	R/W	0h	予約済み
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	OUT12_OC_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 の High または Low の過電流スレッシュホールドを設定します。 0b = Low 電流スレッシュホールド 1b = High 電流スレッシュホールド
4	OUT11_OC_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 の High または Low の過電流スレッシュホールドを設定します。 0b = Low 電流スレッシュホールド 1b = High 電流スレッシュホールド
3	OUT10_OC_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 の High または Low の過電流スレッシュホールドを設定します。 0b = Low 電流スレッシュホールド 1b = High 電流スレッシュホールド
2	OUT9_OC_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 の High または Low の過電流スレッシュホールドを設定します。 0b = Low 電流スレッシュホールド 1b = High 電流スレッシュホールド
1	OUT8_OC_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 の High または Low の過電流スレッシュホールドを設定します。 0b = Low 電流スレッシュホールド 1b = High 電流スレッシュホールド
0	OUT7_RDSON_MODE	R/W	0h	ハイサイドドライバ 7 を高 RDSON モードと低 RDSON モードの間 (電球/ランプ負荷用) に構成します。 0b = 高 RDSON モード (LED ドライバ モード) 1b = 低 RDSON モード (電球/ランプ ドライバ モード)

8.2.14 HS_OL_CNFG レジスタ (オフセット = 1Fh) [リセット = 0000h]

HS_OL_CNFG を表 8-28 に示します。

概略表に戻ります。

ハイサイドドライバごとにオープン負荷閾値を設定します。

表 8-28. HS_OL_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	OUT12_OLA_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 の開放負荷スレッショルドを設定します。 0b = Low スレッショルド 1b = High スレッショルド
12	OUT11_OLA_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 の開放負荷スレッショルドを設定します。 0b = Low スレッショルド 1b = High スレッショルド
11	OUT10_OLA_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 の開放負荷スレッショルドを設定します。 0b = Low スレッショルド 1b = High スレッショルド
10	OUT9_OLA_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 の開放負荷スレッショルドを設定します。 0b = Low スレッショルド 1b = High スレッショルド
9	OUT8_OLA_TH	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 の開放負荷スレッショルドを設定します。 0b = Low スレッショルド 1b = High スレッショルド
8	予約済み	R/W	0h	予約済み
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	OUT12_OLA_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 の開放負荷検出回路を有効にします。
4	OUT11_OLA_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 の開放負荷検出回路を有効にします。
3	OUT10_OLA_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 の開放負荷検出回路を有効にします。
2	OUT9_OLA_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 の開放負荷検出回路を有効にします。
1	OUT8_OLA_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 の開放負荷検出回路を有効にします。
0	OUT7_OLA_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 7 の開放負荷検出回路を有効にします。

8.2.15 HS_REG_CNFG1 レジスタ (オフセット = 20h) [リセット = 0000h]

HS_REG_CNFG1 を表 8-29 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

OUT7 の ITRIP 設定を構成します。

表 8-29. HS_REG_CNFG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9	予約済み	R/W	0h	予約済み
8	予約済み	R/W	0h	予約済み
7	OUT7_ITRIP_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 7 の ITRIP を有効にします。
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	予約済み	R/W	0h	予約済み
4	予約済み	R/W	0h	予約済み
3-2	OUT7_ITRIP_FREQ	R/W	0h	OUT7 の ITRIP レギュレーション周波数を設定します。 00b = 1.7kHz 01b = 2.2kHz 10b = 3kHz 11b = 4.4kHz
1-0	OUT7_ITRIP_DG	R/W	0h	OUT7 の ITRIP グリッチ除去時間を設定します。 00b = 48μs 01b = 40μs 10b = 32μs 11b = 24μs

8.2.16 HS_REG_CNFG2 レジスタ (オフセット = 21h) [リセット = 0000h]

HS_REG_CNFG2 を表 8-30 に示します。

概略表に戻ります。

各ハイサイドドライバの定電流モードを設定します。

表 8-30. HS_REG_CNFG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	OUT12_CCM_TO	R/W	0h	ハイサイド出力 12 の定電流モードにおける電流制限オプションを設定します。 0b = 350mA 1b = 450mA
12	OUT11_CCM_TO	R/W	0h	ハイサイド出力 11 の定電流モードにおける電流制限オプションを設定します。 0b = 350mA 1b = 450mA
11	OUT10_CCM_TO	R/W	0h	ハイサイド出力 10 の定電流モードにおける電流制限オプションを設定します。 0b = 350mA 1b = 450mA
10	OUT9_CCM_TO	R/W	0h	ハイサイド出力 9 の定電流モードにおける電流制限オプションを設定します。 0b = 350mA 1b = 450mA
9	OUT8_CCM_TO	R/W	0h	ハイサイド出力 8 の定電流モードにおける電流制限オプションを設定します。 0b = 350mA 1b = 450mA
8	OUT7_CCM_TO	R/W	0h	ハイサイド出力 7 の定電流モードにおける電流制限オプションを設定します。CCM の値は OUT7_RDSON_MODE に基づいています。 OUT7_RDSON_MODE = 0b の場合: 0b = 250mA 1b = 330mA IF OUT7_RDSON_MODE = 1b: 0b = 360mA 1b = 450mA
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	OUT12_CCM_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 の定電流モード回路を有効化します。
4	OUT11_CCM_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 の定電流モード回路を有効化します。
3	OUT10_CCM_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 の定電流モード回路を有効化します。
2	OUT9_CCM_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 の定電流モード回路を有効化します。
1	OUT8_CCM_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 の定電流モード回路を有効化します。
0	OUT7_CCM_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 7 の定電流モード回路を有効化します。

8.2.17 HS_PWM_FREQ_CNFG レジスタ (オフセット = 22h) [リセット = 0000h]

HS_PWM_FREQ_CNFG を表 8-31 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

各専用 PWM ジェネレータの周波数を設定します。

表 8-31. HS_PWM_FREQ_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	PWM_OUT12_FREQ	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 の専用 PWM ジェネレータの周波数出力を構成します。 00b = 108Hz 01b = 217Hz 10b = 289Hz 11b = 434Hz
9-8	PWM_OUT11_FREQ	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 の専用 PWM ジェネレータの周波数出力を構成します。 00b = 108Hz 01b = 217Hz 10b = 289Hz 11b = 434Hz
7-6	PWM_OUT10_FREQ	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 の専用 PWM ジェネレータの周波数出力を構成します。 00b = 108Hz 01b = 217Hz 10b = 289Hz 11b = 434Hz
5-4	PWM_OUT9_FREQ	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 の専用 PWM ジェネレータの周波数出力を構成します。 00b = 108Hz 01b = 217Hz 10b = 289Hz 11b = 434Hz
3-2	PWM_OUT8_FREQ	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 の専用 PWM ジェネレータの周波数出力を構成します。 00b = 108Hz 01b = 217Hz 10b = 289Hz 11b = 434Hz
1-0	PWM_OUT7_FREQ	R/W	0h	ハイサイドドライバ 7 の専用 PWM ジェネレータの周波数出力を構成します。 00b = 108Hz 01b = 217Hz 10b = 289Hz 11b = 434Hz

8.2.18 HEAT_CNFG レジスタ (オフセット = 23h) [リセット = 0A3Ch]

HEAT_CNFG を表 8-32 に示します。

概略表に戻ります。

ヒーター・ドライバとフォルト応答を構成します。

表 8-32. HEAT_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-8	HEAT_VDS_LVL	R/W	Ah	ヒータ MOSFET VDS 監視保護スレッショルド。 0000b = 0.06V 00001b = 0.08V 0010b = 0.10V 0011b = 0.12V 0100b = 0.14V 0101b = 0.16V 0110b = 0.18V 0111b = 0.2V 1000b = 0.24V 1001b = 0.28V 1010b = 0.32V 1011b = 0.36V 1100b = 0.4V 1101b = 0.44V 1110b = 0.56V 1111b = 1V
7-6	HEAT_VDS_MODE	R/W	0h	ヒータ MOSFET VDS 過電流監視フォルト モード。 00b = ラッチ障害。 01b = サイクルごと。 10b = 警告レポートのみ。 11b = 無効。
5-4	HEAT_VDS_BLK	R/W	3h	ヒータ MOSFET VDS 監視ブランキング時間。 00b = 4 μ s 01b = 8 μ s 10b = 16 μ s 11b = 32 μ s
3-2	HEAT_VDS_DG	R/W	3h	ヒータ MOSFET VDS 過電流モニタのグリッチ除去時間。 00b = 1 μ s 01b = 2 μ s 10b = 4 μ s 11b = 8 μ s
1	HEAT_OLP_EN	R/W	0h	ヒータ オフライン開放負荷検出回路をイネーブルにします。
0	予約済み	R/W	0h	予約済み

8.2.19 EC_CNFG レジスタ (オフセット = 24h) [リセット = 0000h]

EC_CNFG を表 8-33 に示します。

概略表に戻ります。

エレクトロクロムドライバとフォルト応答を設定します。

表 8-33. EC_CNFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15-14	ECFB_DIAG	R/W	0h	ECFB のオープンロード検出回路を有効にします。 00b = 無効化 01b = SC 10b = OLP 11b = ディスエーブル/予約済み
13-12	EC_OUT11_OCP_DG	R/W	0h	EC_MODE = 1 のときの OUT11 OCP グリッチ除去設定 00b = 6 μ s 01b = 10 μ s 10b = 15 μ s 11b = 60 μ s
11-10	ECFB_SC_RSEL	R/W	0h	ECFB 診断短絡検出オプション。 00b = 0.5 Ω 01b = 1.0 Ω 10b = 2.0 Ω 11b = 3.0 Ω
9-8	ECFB_OV_DG	R/W	0h	過電圧フォルト グリッチ除去時間を構成します。00b = 20 μ s 01b = 50 μ s 10b = 100 μ s 11b = 200 μ s
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5-4	ECFB_OV_MODE	R/W	0h	EC ドライバの ECFB OV フォルト応答を構成します。 0b = アクションなし 01b = 電圧が 3V を超える状態が EFB_OV_DG 時間より長く続いた場合に、ECFB_OV を報告します。 10b = 電圧が 3V を超える状態が EFB_OV_DG 時間を超えて続いた場合、ECFB_OV を報告し、ECDRV をブルダウンして Low に駆動します。
3	EC_FLT_MODE	R/W	0h	EC ドライバの過電流フォルト応答を構成します。 0b = Hi-Z EC ドライバ 1b = OUT7 の ITRIP 設定で再試行
2	ECFB_LS_PWM	R/W	0h	EC 負荷の LS PWM 放電をイネーブルします。 0b = PWM 放電なし(高速放電) 1b = PWM 放電イネーブル
1	EC_OLEN	R/W	0h	このビットは、EC 放電中のオープン負荷検出回路を有効にします。 0b = EC 放電中はオープンロード検出を無効化 1b = EC 放電中の開放負荷検出を有効化
0	ECFB_MAX	R/W	0h	EC の最大目標電圧を設定します。 0b = 1.2V 1b = 1.5V

8.2.20 HS_REG_CNFG3 レジスタ (オフセット = 25h) [リセット = 0000h]

HS_REG_CNFG3 を表 8-34 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

HS ITRIP 設定を構成します。

表 8-34. HS_REG_CNFG3 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	HS_OUT_ITRIP_FREQ	R/W	0h	OUT8-12 の ITRIP FREQ 設定 00b ~ 1.7KHz 01b ~ 2.2KHz 10b ~ 3KHz 11b ~ 4.4KHz
9-8	HS_OUT_ITRIP_DG	R/W	0h	OUT8-12 ドライバの一般的な ITRIP グリッチ除去設定 00b - 48μs 01b - 40μs 10b - 32μs 11b - 24μs
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	予約済み	R/W	0h	予約済み
4	HS_OUT12_ITRIP_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 の ITRIP を有効にします。
3	HS_OUT11_ITRIP_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 の ITRIP を有効にします。
2	HS_OUT10_ITRIP_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 の ITRIP を有効にします。
1	HS_OUT9_ITRIP_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 の ITRIP を有効にします。
0	HS_OUT8_ITRIP_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 の ITRIP を有効にします。

8.2.21 SPARE_CNFG2 レジスタ (オフセット = 26h) [リセット = 0000h]

SPARE_CNFG2 を表 8-35 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

予備構成レジスタ。

表 8-35. SPARE_CNFG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9	予約済み	R/W	0h	予約済み
8	予約済み	R/W	0h	予約済み
7	予約済み	R/W	0h	予約済み
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	予約済み	R/W	0h	予約済み
4	予約済み	R/W	0h	予約済み
3	予約済み	R/W	0h	予約済み
2	予約済み	R/W	0h	予約済み
1	予約済み	R/W	0h	予約済み
0	予約済み	R/W	0h	予約済み

8.2.22 OUT1_HS_MODE_DC レジスタ (オフセット = 27h) [リセット = 0000h]

OUT1_HS_MODE_DC を表 8-36 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

デューティサイクルの 10 ビットを構成します

表 8-36. OUT1_HS_MODE_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT1_DC	R/W	0h	OUT1_MODE=1 の場合、OUT1 専用 PWM ジェネレータのデューティサイクルを 10 ビット分解能で制御し、最大値は 1022 になります。

8.2.23 OUT2_HS_MODE_DC レジスタ (オフセット = 28h) [リセット = 0000h]

OUT2_HS_MODE_DC を表 8-37 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

デューティサイクルの 10 ビットを構成します

表 8-37. OUT2_HS_MODE_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT2_DC	R/W	0h	OUT2_MODE=1 の場合、OUT2 専用 PWM ジェネレータのデューティサイクルを 10 ビット分解能で制御し、最大値は 1022 になります。

8.3 DRV8000-Q1_CTRL レジスタ

DRV8000-Q1_CTRL レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 8-38 に示します。表 8-38 がないレジスタ オフセットアドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。

表 8-38. DRV8000-Q1_CTRL レジスタ

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
29h	IC_CTRL	IC 制御レジスタ。	セクション 8.3.1
2Ah	HB_CTRL	ゲートドライバとハーフブリッジ制御レジスタ。	セクション 8.3.2
2Bh	HS_EC_HEAT_CTRL	ハイサイドドライバ、EC、ヒータドライバの制御レジスタ。	セクション 8.3.3
2Ch	OUT7_PWM_DC	OUT7 PWM デューティ サイクル制御レジスタ。	セクション 8.3.4
2Dh	OUT8_PWM_DC	OUT8 PWM デューティ サイクル制御レジスタ。	セクション 8.3.5
2Eh	OUT9_PWM_DC	OUT9 PWM デューティ サイクル制御レジスタ。	セクション 8.3.6
2Fh	OUT10_PWM_DC	OUT10 PWM デューティ サイクル制御レジスタ。	セクション 8.3.7
30h	OUT11_PWM_DC	OUT11 PWM デューティ サイクル制御レジスタ。	セクション 8.3.8
31h	OUT12_PWM_DC	OUT12 PWM デューティ サイクル制御レジスタ。	セクション 8.3.9

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-39 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。

表 8-39. DRV8000-Q1_CTRL のアクセス タイプ コード

アクセス タイプ	コード	説明
読み取りタイプ		
R	R	読み出し
書き込みタイプ		
W	W	書き込み
リセットまたはデフォルト値		
-n		リセット後の値またはデフォルト値

8.3.1 IC_CTRL レジスタ (オフセット = 29h) [リセット = 006Ch]

表 8-40 に、IC_CTRL の詳細を示します。

概略表に戻ります。

構成レジスタまたは制御レジスタをロックまたはロック解除し、エラーをクリアするための制御レジスタ。

表 8-40. IC_CTRL レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	IPROPI_MODE	R/W	0h	IPROPI/PWM2 ピンのモードを入力モードと出力モードの間で選択します。 0b = 出力 (IPROPI モード) 1b = 入力 (PWM モード)
12-8	IPROPI_SEL	R/W	0h	電流、電圧、温度センス出力間の IPROPI MUX 出力を制御します。 00000b = 出力なし 00001b = OUT1 電流センス出力 00010b = OUT2 電流センス出力 00011b = OUT3 電流センス出力 00100b = OUT4 電流センス出力 00101b = OUT5 電流センス出力 00110b = OUT6 電流センス出力 00111b = OUT7 電流センス出力 01000b = OUT8 電流センス出力 01001b = OUT9 電流センス出力 01010b = OUT10 電流センス出力 01011b = OUT11 電流センス出力 01100b = OUT12 電流センス出力 01101b = 予約済み。 01110b = 予約済み。 01111b = 予約済み。 10000b = VPVDD センス公称範囲 (5V ~ 22V) 10001b = サーマル クラスタ 1 出力 10010b = サーマル クラスタ 2 出力 10011b = サーマル クラスタ 3 出力 10100b = サーマル クラスタ 4 出力 10101b = VPVDD センス高範囲 (20V ~ 32V)
7-5	CTRL_LOCK	R/W	3h	制御レジスタのロックとロック解除。一覧にないビット設定は無効です。 011b = すべての制御レジスタをロック解除します。 110b = IC_CTRL レジスタ以外の追加の書き込みを無視することで、制御レジスタをロックします。
4-2	CNFG_LOCK	R/W	3h	構成レジスタのロックおよびロック解除。一覧にないビット設定は無効です。 011b = すべての構成レジスタをロック解除します。 110b = 追加の書き込みを無視することで、構成レジスタをロックします。
1	WD_RST	R/W	0h	ウォッチドッグの再起動。 電源投入後のデフォルトは 0b です。 このビットを反転して、ウォッチドッグ タイマを再開します。 書き込むと、このビットは新しい反転値を反映します。
0	CLR_FLT	R/W	0h	ラッチされた障害状態情報をクリア。 0b = デフォルト状態。 1b = 障害がクリアされ、完了後 0b にリセットされます。また、SPI 故障およびウォッチドッグ故障ステータスもクリアされます。

8.3.2 HB_CTRL レジスタ (オフセット = 2Ah) [リセット = 0000h]

HB_CTRL を表 8-41 に示します。

概略表に戻ります。

ハーフブリッジ出力制御レジスタ。

表 8-41. HB_CTRL レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11-10	OUT6_CTRL	R/W	0h	ハーフブリッジ出力 6 制御機能を内蔵。 00b = オフ 01b = HS オン 10b = LS オン 11b = RSVD
9-8	OUT5_CTRL	R/W	0h	ハーフブリッジ出力 5 制御機能を内蔵。 00b = オフ 01b = HS オン 10b = LS オン 11b = RSVD
7-6	OUT4_CTRL	R/W	0h	ハーフブリッジ出力 4 制御機能を内蔵。 00b = オフ 01b = HS オン 10b = LS オン 11b = RSVD
5-4	OUT3_CTRL	R/W	0h	ハーフブリッジ出力 3 制御機能を内蔵。 00b = オフ 01b = HS オン 10b = LS オン 11b = RSVD
3-2	OUT2_CTRL	R/W	0h	ハーフブリッジ出力 2 制御機能を内蔵。 00b = オフ 01b = HS オン 10b = LS オン 11b = RSVD
1-0	OUT1_CTRL	R/W	0h	ハーフブリッジ出力 1 制御機能を内蔵。 00b = オフ 01b = HS オン 10b = LS オン 11b = RSVD

8.3.3 HS_EC_HEAT_CTRL レジスタ (オフセット = 2Bh) [リセット = 0000h]

HS_EC_HEAT_CTRL を表 8-42 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバ、EC、ヒータドライバの出力制御レジスタ。

表 8-42. HS_EC_HEAT_CTRL レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	ECFB_LS_EN	R/W	0h	ECFB 上の LS MOSFET で EC 放電を可能にしながら、EC 規制を有効にします。
14	EC_ON	R/W	0h	EC 出力をイネーブルにします。
13-8	EC_V_TAR	R/W	0h	ECFB の目標電圧を制御するための 6 ビットの分解能。0V ~ ECFB の最大値 (1.2 または 1.5V)。
7	HEAT_EN	R/W	0h	ヒータ出力をイネーブルにします。
6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	OUT12_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 をイネーブルにします。
4	OUT11_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 をイネーブルにします。
3	OUT10_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 をイネーブルにします。
2	OUT9_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 をイネーブルにします。
1	OUT8_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 をイネーブルにします。
0	OUT7_EN	R/W	0h	ハイサイドドライバ 7 をイネーブルにします。

8.3.4 OUT7_PWM_DC レジスタ (オフセット = 2Ch) [リセット = 0000h]

OUT7_PWM_DC を表 8-43 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバ 7 用の 10 ビット デューティ サイクル制御。

表 8-43. OUT7_PWM_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT7_DC	R/W	0h	ハイサイドドライバ 7 用 PWM ジェネレータのデューティサイクルを 10 ビット分解能で制御でき、最大値は 1022 です。

8.3.5 OUT8_PWM_DC レジスタ (オフセット = 2Dh) [リセット = 0000h]

OUT8_PWM_DC を表 8-44 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバ 8 用の 10 ビット デューティ サイクル制御。

表 8-44. OUT8_PWM_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT8_DC	R/W	0h	ハイサイドドライバ 8 用 PWM ジェネレータのデューティサイクルを 10 ビット分解能で制御でき、最大値は 1022 です。

8.3.6 OUT9_PWM_DC レジスタ (オフセット = 2Eh) [リセット = 0000h]

OUT9_PWM_DC を表 8-45 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバ 9 用の 10 ビット デューティ サイクル制御。

表 8-45. OUT9_PWM_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT9_DC	R/W	0h	ハイサイドドライバ 9 用 PWM ジェネレータのデューティサイクルを 10 ビット分解能で制御でき、最大値は 1022 です。

8.3.7 OUT10_PWM_DC レジスタ (オフセット = 2Fh) [リセット = 0000h]

OUT10_PWM_DC を表 8-46 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバ 10 用の 10 ビット デューティ サイクル制御。

表 8-46. OUT10_PWM_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT10_DC	R/W	0h	ハイサイドドライバ 10 用 PWM ジェネレータのデューティ サイクルを 10 ビット分解能で制御でき、最大値は 1022 です。

8.3.8 OUT11_PWM_DC レジスタ (オフセット = 30h) [リセット = 0000h]

OUT11_PWM_DC を表 8-47 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバ 11 用の 10 ビット デューティ サイクル制御。

表 8-47. OUT11_PWM_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT11_DC	R/W	0h	ハイサイドドライバ 11 用 PWM ジェネレータのデューティ サイクルを 10 ビット分解能で制御でき、最大値は 1022 です。

8.3.9 OUT12_PWM_DC レジスタ (オフセット = 31h) [リセット = 0000h]

OUT12_PWM_DC を表 8-48 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

ハイサイドドライバ 12 用の 10 ビット デューティ サイクル制御。

表 8-48. OUT12_PWM_DC レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
15	予約済み	R/W	0h	予約済み
14	予約済み	R/W	0h	予約済み
13	予約済み	R/W	0h	予約済み
12	予約済み	R/W	0h	予約済み
11	予約済み	R/W	0h	予約済み
10	予約済み	R/W	0h	予約済み
9-0	OUT12_DC	R/W	0h	ハイサイドドライバ 12 用 PWM ジェネレータのデューティ サイクルを 10 ビット分解能で制御でき、最大値は 1022 です。

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 アプリケーション情報

DRV800x-Q1 は、高度な設定が可能なマルチチャネル統合ハーフブリッジおよびハーフブリッジ MOSFET ゲートドライバであり、さまざまな異なる出力負荷を駆動するために使用できます。以下の設計例では、さまざまなアプリケーションの使用事例に合わせてデバイスを使用し、構成する方法を示しています。

9.2 代表的なアプリケーション

DRV8001-Q1 の代表的なアプリケーションは、一般的な自動車のドアにおける複数の負荷の制御です。これには、複数の統合ハーフブリッジおよびハイサイドドライバ、含まれます。加熱素子向けのエレクトロクロミックミラードライバと外部ハイサイド MOSFET ドライバ。高レベルの回路図の例を、以下の [図 9-1](#) に示します。

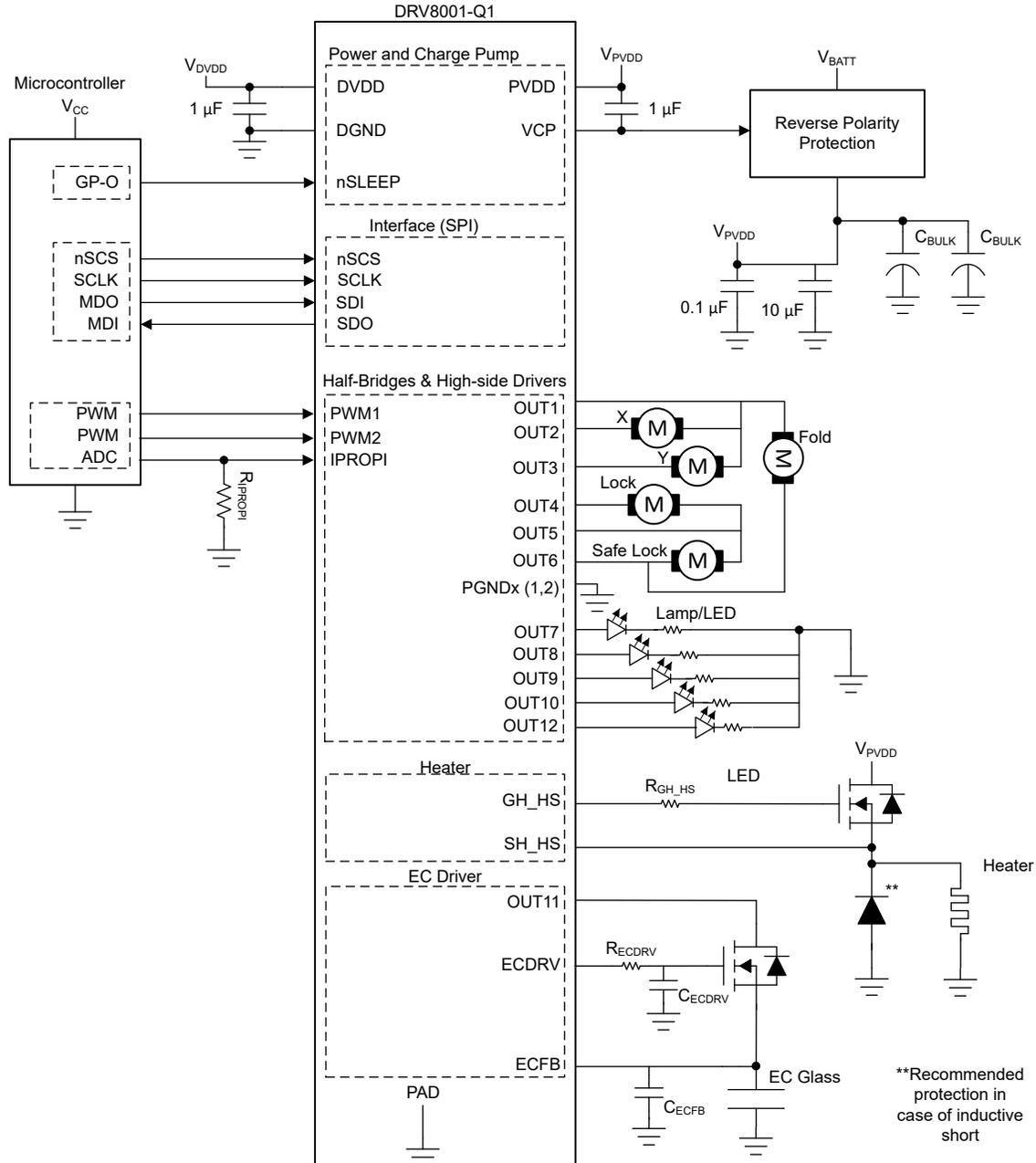


図 9-1. DRV8001-Q1 の代表的なアプリケーション

9.2.1 設計要件

表 9-1 に、システム設計の入力パラメータ例のセットを示します。

表 9-1. 設計パラメータ

パラメータ	値
PVDD 電源電圧範囲	9~18V
PVDD 公称電源電圧	13.5V
DVDD ロジック電源電圧範囲	3.3V
IPROPI 抵抗	2.35kΩ

表 9-1. 設計パラメータ (続き)

パラメータ	値
PWM 周波数	20kHz

9.3 初期設定

9.4 電源に関する推奨事項

9.4.1 バルク容量の決定

適切なローカル バルク容量の確保は、モーター駆動システムの設計において重要な要素です。一般的に、バルク容量が大きいことは有益ですが、コストと物理的なサイズが大きくなるというデメリットもあります。ローカル容量値は、次のようなさまざまな要因で決まります。

- モーター システムが必要とする最大電流
- 電源の種類、静電容量、電流供給能力
- 電源とモーター システムの間の寄生インダクタンスの大きさ
- 許容される電源電圧リップル
- モータの種類 (ブラシ付き DC、ブラシレス DC、ステッピング)
- モータの始動および制動方法

電源とモーター駆動システム間のインダクタンスは、電源からの電流レートを制限する可能性があります。ローカル バルク容量が小さすぎると、モーターに大電流を供給しようとする場合、または負荷ダンピングが発生した場合、システムの電圧が変動します。十分なバルク容量を備えることで、モータの電圧は安定し、大電流を素早く供給できます。

データシートには推奨最小値が記載されていますが、バルク コンデンサの容量が適切かどうかを判断するには、システムレベルのテストが必要です。

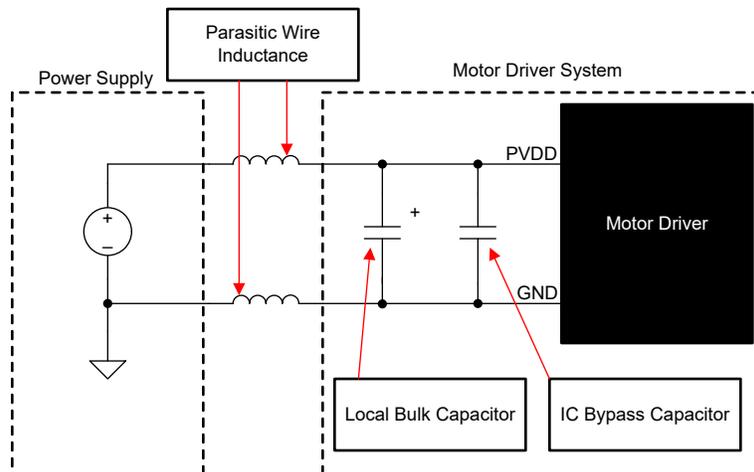


図 9-2. モーター ドライバ電源の寄生インダクタンスの例

9.5 レイアウト

9.5.1 レイアウトのガイドライン

PVDD ピンを GND ピンに低 ESR セラミック バイパス コンデンサ C_{PVDD1} を使用してバイパスします。このコンデンサは、幅の広いパターン、または GND ピンに接続されたグラウンド プレーンを使用して、PVDD ピンのできるだけ近くに配置してください。さらに、PVDD 用のバルク コンデンサ C_{PVDD2} を使用して PVDD ピンをバイパスします。この部品は電解質である可能性があります。容量は $10\mu\text{F}$ 以上とします。外付けパワー MOSFET 用のバルク容量と容量を共有することは許容されます。

DVDD ピンは C_{DVDD} で DGND ピンにバイパスします。このコンデンサはピンにできる限り近づけて配置し、コンデンサから DGND ピンまでのパスを最短にします。ノイズを最小限に抑えるために、これらの電源にデバイスの近傍にローカル バイパス コンデンサがすでに存在している場合は、DVDD 用の追加成分は必要ありません。

EC ドライバの場合、 C_{ECDRV} および C_{ECFB} バイパス コンデンサの両方を GND にできるだけ近づけて配置します。

9.5.2 レイアウト例

図 9-3. DRV8001-Q1 の部品の配置とレイアウト

上記のレイアウト画面のスクリーンショットは、デバイスに関連するデバイス コンポーネントとレイアウトを示しています。このレイアウトのスクリーンショットはデバイスの評価基板から取得したものです。すべての電源デカップリング コンデンサ、特に小容量のコンデンサとチャージポンプ コンデンサは、ピンにできるだけ近づけて配置され、デバイスの同じ層に配置されていることに注意してください。前のセクションで概説したすべての一般的なガイドラインは、可能な限り評価モジュールのレイアウト設計に反映されています。

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能評価、コード生成、およびシステム開発に使用するツールとソフトウェアを以下に示します。

10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

10.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DRV8001QWRHARQ1	Active	Production	VQFN (RHA) 40	2500 LARGE T&R	-	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	DRV8001

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

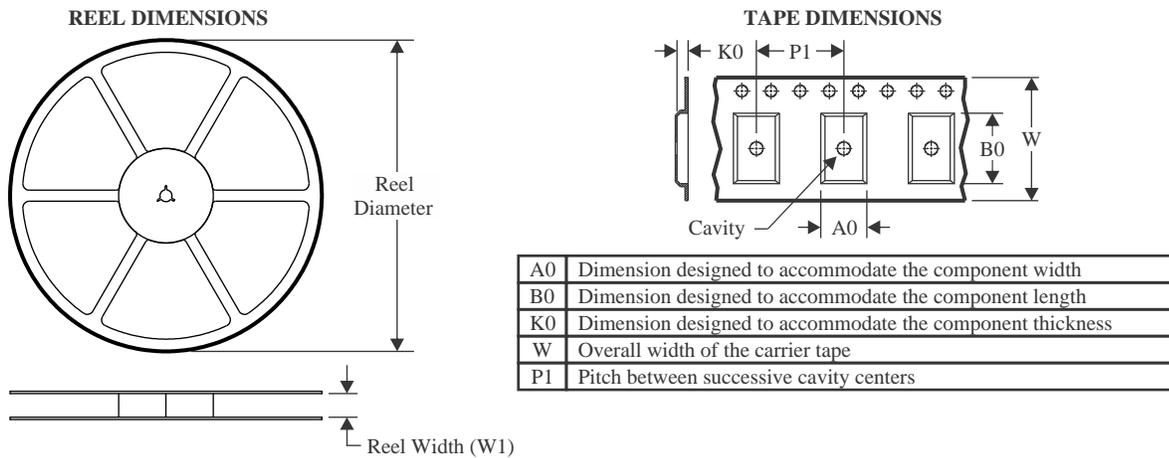
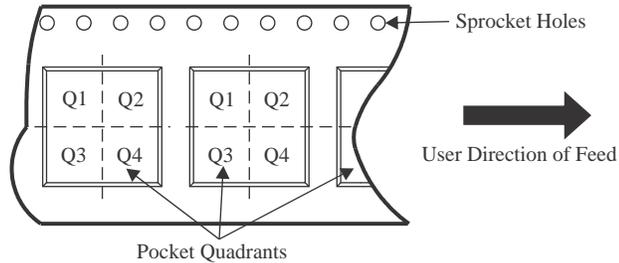
(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

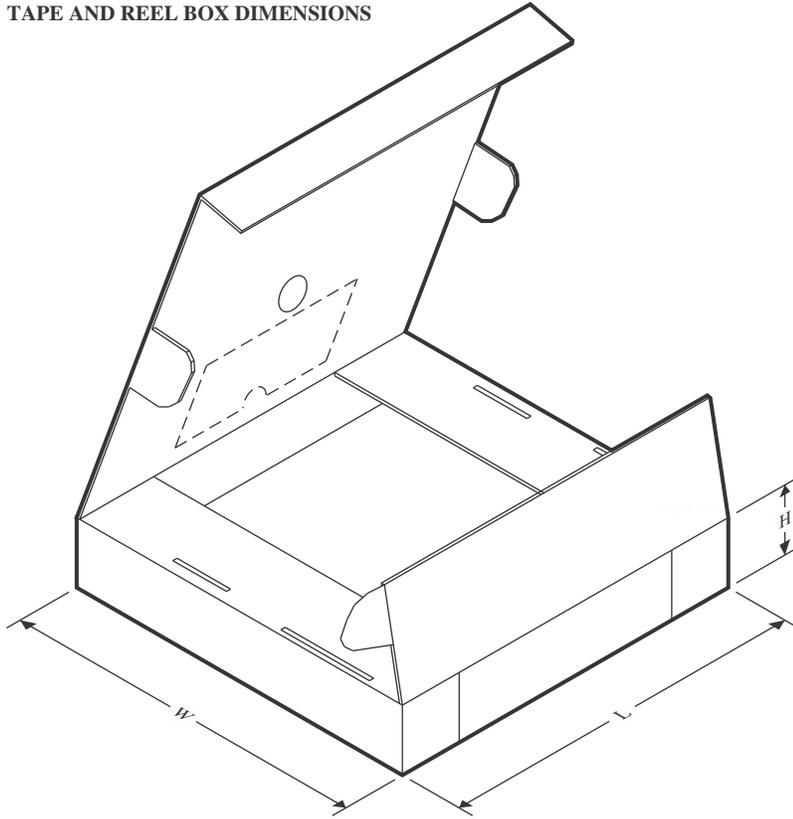
Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DRV8001QWRHARQ1	VQFN	RHA	40	2500	330.0	16.4	6.3	6.3	1.1	12.0	16.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DRV8001QWRHARQ1	VQFN	RHA	40	2500	360.0	360.0	36.0

GENERIC PACKAGE VIEW

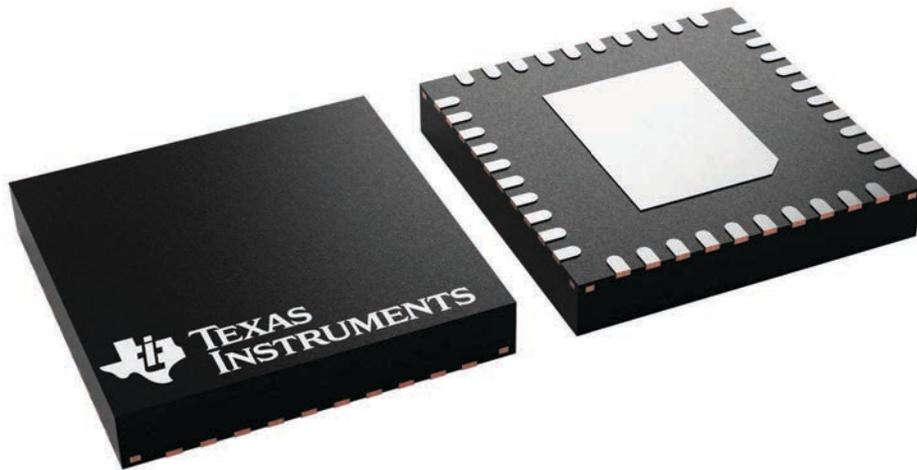
RHA 40

VQFN - 1 mm max height

6 x 6, 0.5 mm pitch

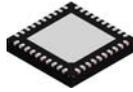
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4225870/A

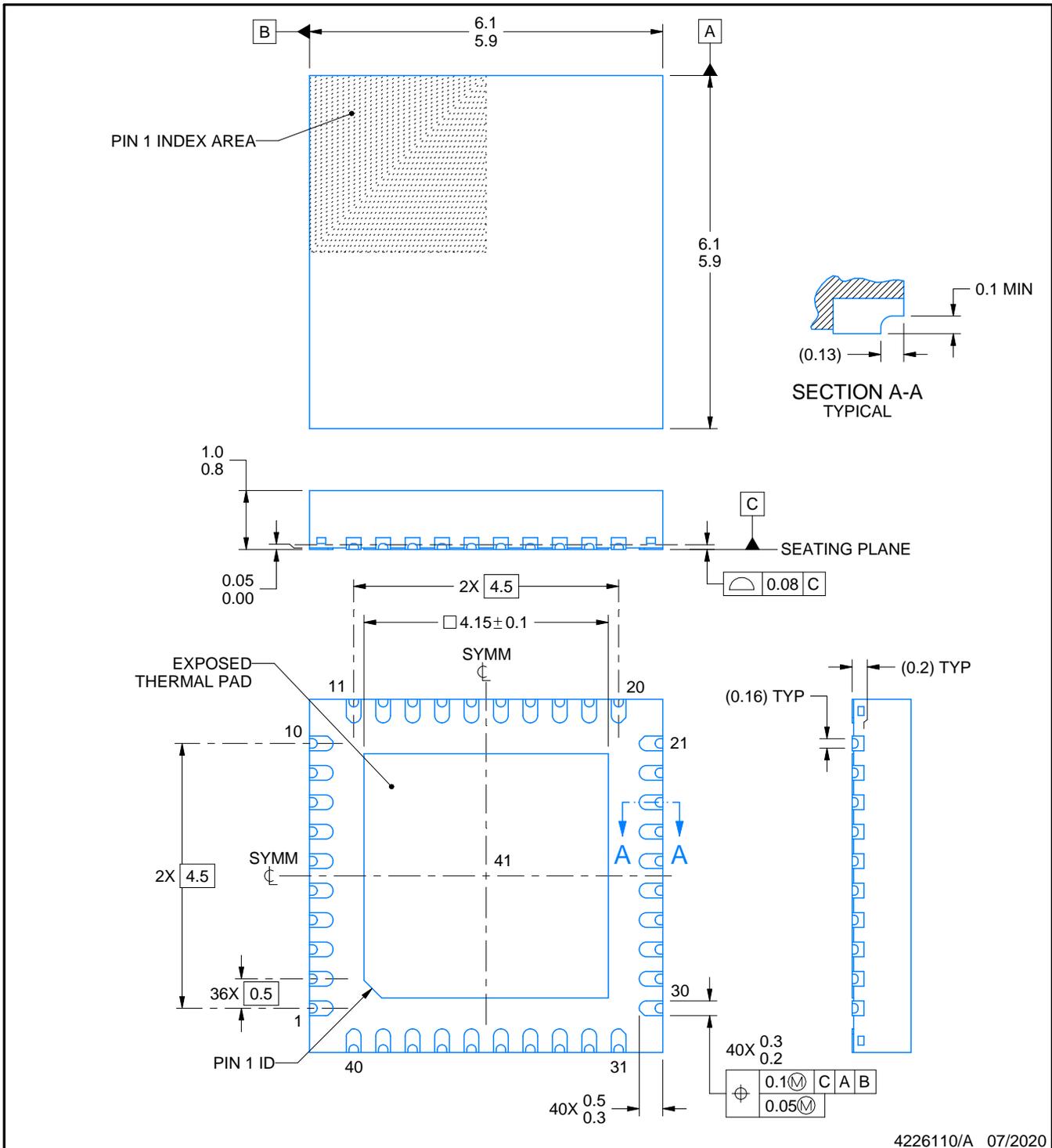
RHA0040M



PACKAGE OUTLINE

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



4226110/A 07/2020

NOTES:

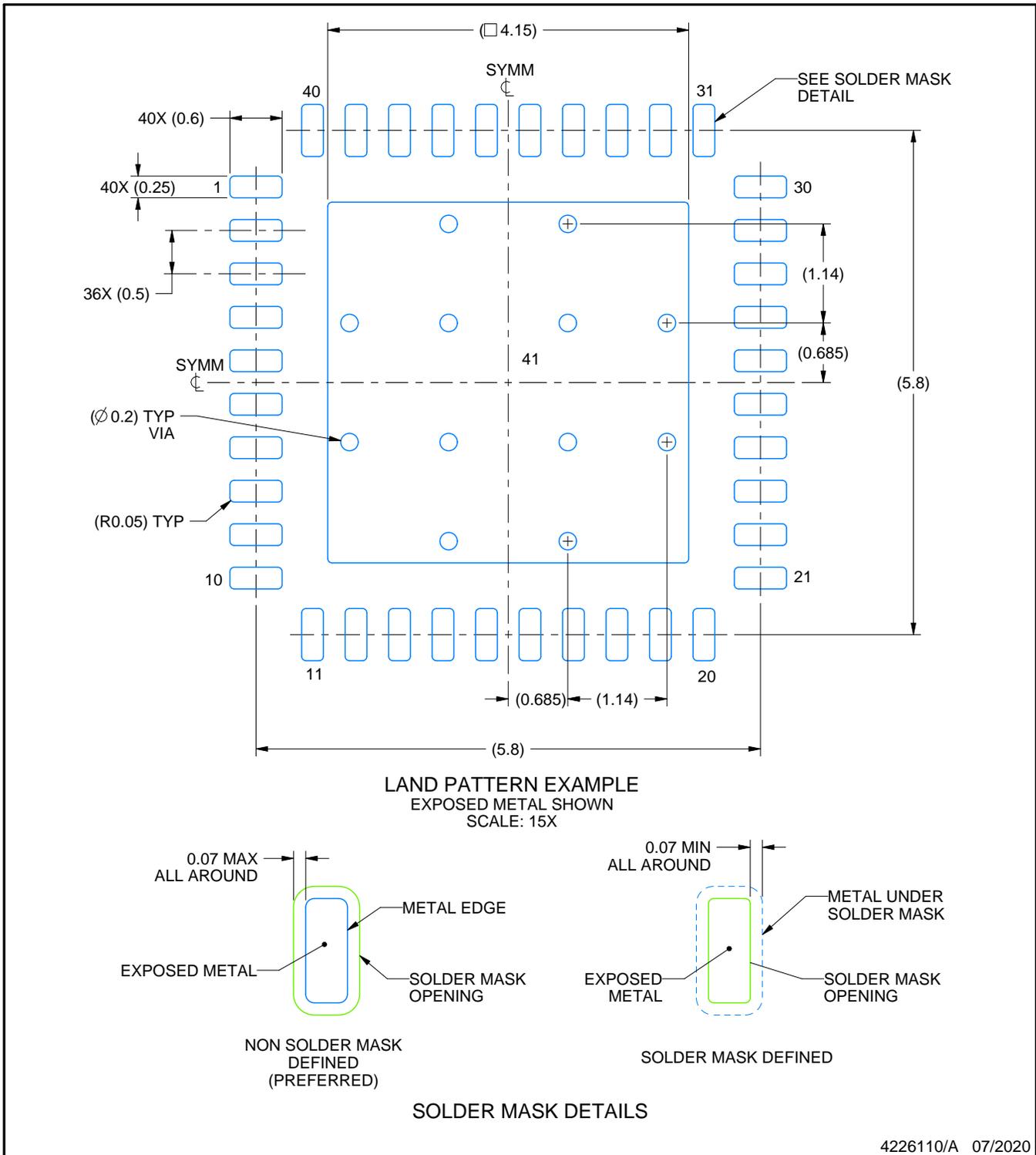
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

RHA0040M

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

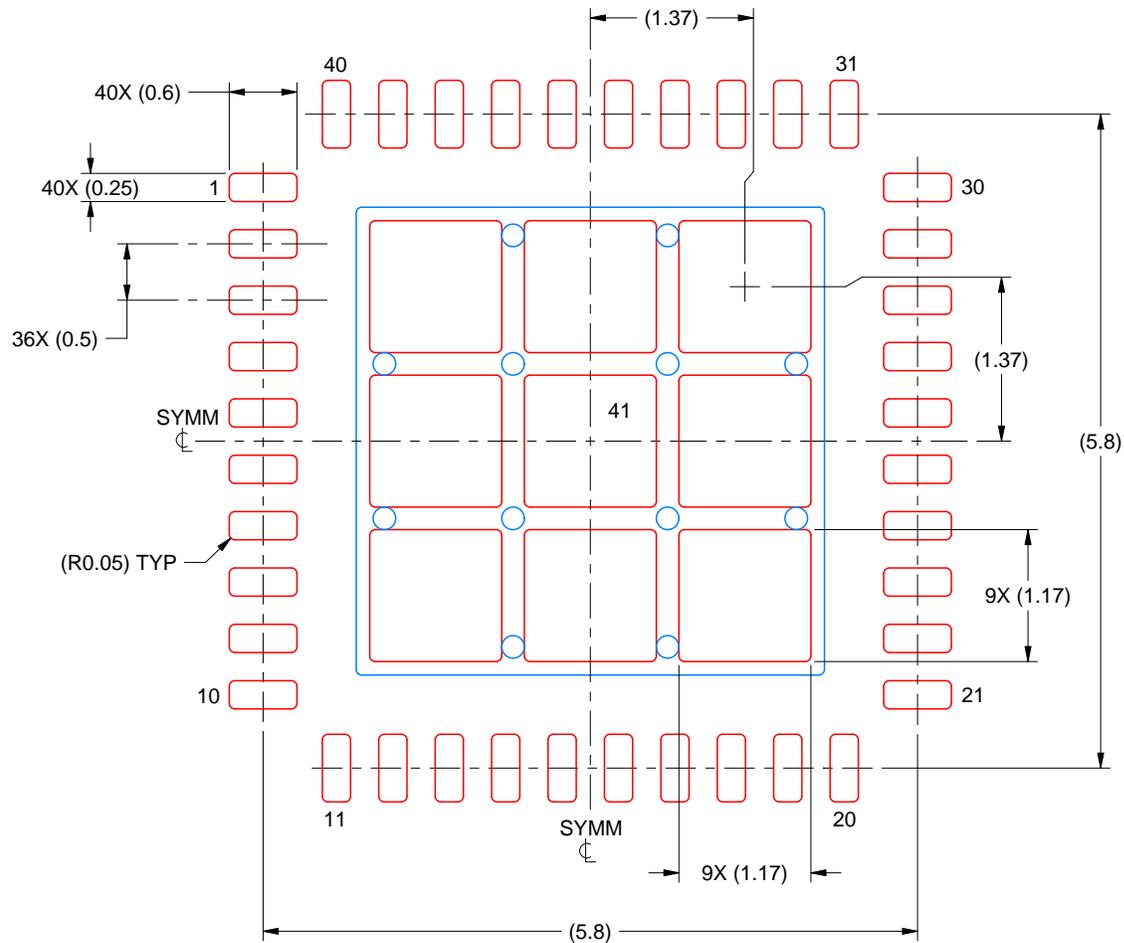
- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RHA0040M

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 15X

EXPOSED PAD 41
72% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4226110/A 07/2020

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月